

1508.65123

**BEST AVAILABLE COPY**

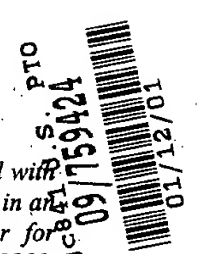
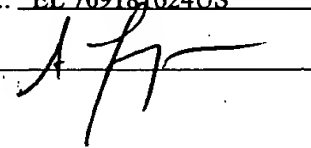
PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In Re U.S. Patent Application )  
)  
Applicant: Sawasaki et al. )  
)  
Serial No. )  
)  
Filed: January 12, 2001 )  
)  
For: LIQUID CRYSTAL DISPLAY )  
      DEVICE AND METHOD OF )  
      MANUFACTURING THE )  
      SAME )  
)  
Art Unit: )

*I hereby certify that this paper is being deposited with  
the United States Postal Service as EXPRESS mail in an  
envelope addressed to: Assistant Commissioner for  
Patents, Washington, D.C. 20231, on January 12, 2001.  
Express Label No.: EL 769181624US*

Signature: \_\_\_\_\_



CLAIM FOR PRIORITY

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, DC 20231

Sir:

Applicants claim foreign priority benefits under 35 U.S.C. § 119 on the basis  
of the foreign application identified below:

Japanese Patent Application No. 2000-007176, filed January 14, 2000.

A certified copy of the priority document is enclosed.

Respectfully submitted,

GREER, BURNS & CRAIN, LTD.

By 

Patrick G. Burns  
Reg. No. 29,367

January 12, 2001  
300 South Wacker Drive  
Suite 2500  
Chicago, IL 60606  
(312) 360-0080  
Customer Number: 24978

1508.65123  
(312) 360 0080

日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 1月14日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-007176

出 願 人

Applicant (s):

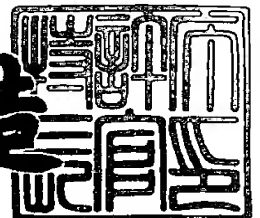
富士通株式会社



2000年12月 8日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3101875

【書類名】 特許願

【整理番号】 9940930

【提出日】 平成12年 1月14日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G09F 9/35

【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

【請求項の数】 29

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 澤崎 学

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 高木 孝

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 井上 弘康

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 池田 政博

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 伊丹 直重

【発明者】

【住所又は居所】 鳥取県米子市石州府字大塚ノ貳650番地 株式会社米

子富士通内

【氏名】 田野瀬 智則

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中 4 丁目 1 番 1 号 富士通  
株式会社内

【氏名】 松井 直宣

【発明者】

【住所又は居所】 鳥取県米子市石州府字大塚ノ貳 6 5 0 番地 株式会社米  
子富士通内

【氏名】 細川 和行

【発明者】

【住所又は居所】 鳥取県米子市石州府字大塚ノ貳 6 5 0 番地 株式会社米  
子富士通内

【氏名】 角 一彦

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中 4 丁目 1 番 1 号 富士通  
株式会社内

【氏名】 谷口 洋二

【発明者】

【住所又は居所】 鳥取県米子市石州府字大塚ノ貳 6 5 0 番地 株式会社米  
子富士通内

【氏名】 中野 晋

【特許出願人】

【識別番号】 000005223

【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】 100091672

【住所又は居所】 東京都中央区日本橋人形町 3 丁目 1 1 番 7 号  
山西ビル 4 階



【弁理士】

【氏名又は名称】 岡本 啓三

【電話番号】 03-3663-2663

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013701

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704683

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一对の基板間に垂直配向型液晶を封入した垂直配向型液晶表示装置において、

前記一对の基板の少なくとも一方に形成されてセルギャップを一定に維持するセルギャップ調整用スペーサと、

前記スペーサが形成された基板側に、前記スペーサと同一材料により同一工程で形成された、前記スペーサよりも高さが低いドメイン規制用突起部とを有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】 一对の基板間に垂直配向型液晶を封入した垂直配向型液晶表示装置の製造方法において、

一方の基板上にフォトリソ膜を形成するフォトリソ膜形成工程と、

スペーサパターン及び突起パターンを有するマスクを使用し、前記フォトリソ膜に、現像後の残膜厚さが異なる条件で前記スペーサパターン及び前記突起パターンを転写する露光工程と、

前記フォトリソ膜を現像して、前記スペーサパターンに対応するセルギャップ調整用スペーサと、前記突起パターンに対応するドメイン規制用突起部とを同時に形成する現像工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 3】 基板と、

前記基板上に形成された複数色のカラーフィルタと、

前記カラーフィルタの上に形成されたコモン電極と、

前記コモン電極の上に形成されたセルギャップ調整用スペーサと、

前記コモン電極の上に前記セルギャップ調整用スペーサと同一材料により同一工程で形成された、前記セルギャップ調整用スペーサよりも高さが低いドメイン規制用突起部と

を有することを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタ基板。

【請求項 4】 基板上に複数色のカラーフィルタを形成する工程と、

前記カラーフィルタの上に透明導電体からなるコモン電極を形成する工程と、  
前記コモン電極の上にフォトリソ膜を形成する工程と、

スペーサパターン及び突起パターンを有するマスクを使用し、前記フォトリソ膜に、現像後の残膜厚さが異なる条件で前記スペーサパターン及び前記突起パターンを転写する工程と、

前記フォトリソ膜を現像して、前記スペーサパターンに対応するセルギャップ調整用スペーサと、前記突起パターンに対応するドメイン規制用突起部とを同時に形成する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタ基板の製造方法。

【請求項 5】 一対の基板間に垂直配向型液晶を封入した垂直配向型液晶表示装置の製造方法において、

一方の基板上にフォトリソ膜を形成するフォトリソ膜形成工程と、

スペーサパターンと、該スペーサパターンよりも幅が狭い突起パターンとを有するマスクを使用し、前記フォトリソ膜に前記スペーサパターン及び前記突起パターンを転写する露光工程と、

前記フォトリソ膜を現像して、前記スペーサパターンに対応するセルギャップ調整用スペーサと、前記突起パターンに対応するドメイン規制用突起部とを同時に形成する現像工程と、

現像後のフォトリソ膜をポストバークして、ドメイン規制用突起部の高さを前記セルギャップ調整用スペーサの高さよりも低くするポストバーク工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 6】 基板上に複数色のカラーフィルタを形成する工程と、

前記カラーフィルタの上に透明導電体からなるコモン電極を形成する工程と、

前記コモン電極の上にフォトリソ膜を形成する工程と、

スペーサパターンと、該スペーサパターンよりも幅が狭い突起パターンとを有するマスクを使用し、前記フォトリソ膜に前記スペーサパターン及び前記突起パターンを転写する工程と、

前記フォトリソ膜を現像して、前記スペーサパターンに対応するセルギャップ調整用スペーサと、前記突起パターンに対応するドメイン規制用突起部とを

同時に形成する工程と、

現像後のフォトリソ膜をポストバークして、ドメイン規制用突起部の高さを前記セルギャップ調整用スペーサの高さよりも低くする工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタ基板の製造方法。

【請求項 7】 第 1 の基板上にカラーフィルタを形成する工程と、

前記第 1 の基板上に透明導電体からなる電極を形成する工程と、

前記透明導電体の上にフォトリソ膜を形成する工程と、

前記フォトリソ膜を露光し、その後現像処理を施して、セルギャップ調整用スペーサと、該セルギャップ調整用スペーサよりも高さが低いドメイン規制用突起部とを同時に形成する工程と、

前記第 1 の基板の上面側に第 1 の配向膜を形成する工程と、

画素電極及び第 2 の配向膜を有する第 2 の基板と前記第 1 の基板とを接合し、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との間に垂直配向型液晶を封入する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 8】 基板上に赤色、緑色及び青色のうちのいずれか 2 色以上のカラーフィルタを積層してブラックマトリクスとする液晶表示装置において、

上層のカラーフィルタのエッジにより、赤色画素、緑色画素及び青色画素のうちのいずれか 2 以上の画素のエッジを決定する構造を有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 9】 基板と、

前記基板上の赤色画素部に形成された赤色カラーフィルタと、緑色画素部に形成された緑色カラーフィルタと、青色画素部に形成された青色カラーフィルタと

、  
赤色カラーフィルタ、緑色カラーフィルタ及び青色カラーフィルタのうちの少なくとも 2 色のカラーフィルタを積層して形成され、前記基板上の画素間の領域に配置されたブラックマトリクスとを有し、

前記赤色画素、前記緑色画素及び前記青色画素のエッジが前記ブラックマトリクスを構成するカラーフィルタのうち上層のカラーフィルタのエッジで決定されていることを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタ基板。

【請求項 1 0】 基板上の第 1 の色画素部及びブラックマトリクス形成部に、第 1 の色のカラーフィルタを形成する工程と、

前記基板上の第 2 の色画素部及び前記ブラックマトリクス形成部に、第 2 の色のカラーフィルタを形成し、前記第 1 の色画素部のエッジを前記第 2 の色のカラーフィルタのエッジで決定する工程と、

前記基板上の第 3 の色画素部及び前記ブラックマトリクス形成部に、第 3 の色のカラーフィルタを形成し、前記第 2 の色画素部のエッジを前記第 3 の色のカラーフィルタのエッジで決定するとともに、前記第 3 の色画素部のエッジを前記第 1 の色のカラーフィルタのエッジで決定する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 1 1】 基板上の第 1 の色画素部及びブラックマトリクス形成部に、第 1 の色のカラーフィルタを形成する工程と、

前記基板上の第 2 の色画素部及び前記ブラックマトリクス形成部に、第 2 の色のカラーフィルタを形成し、前記第 1 の色画素部のエッジを前記第 2 の色のカラーフィルタのエッジで決定する工程と、

前記基板上の第 3 の色画素部及び前記ブラックマトリクス形成部に、第 3 の色のカラーフィルタを形成し、前記第 2 の色画素部のエッジを前記第 3 の色のカラーフィルタのエッジで決定するとともに、前記第 3 の色画素部のエッジを前記第 1 の色のカラーフィルタのエッジで決定する工程と

前記カラーフィルタの上に透明導電体からなるコモン電極を形成する工程とを有することを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタ基板の製造方法。

【請求項 1 2】 一対の基板間に液晶を封入してなる液晶表示装置において

前記一対の基板間に、通常時の前記基板間のセルギャップを決定する第 1 のスペーサと、前記第 1 のスペーサよりも高さが低い第 2 のスペーサとが設けられていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 1 3】 前記第 1 のスペーサ及び前記第 2 のスペーサが、圧縮変位が異なる材料からなることを特徴とする請求項 1 2 に記載の液晶表示装置。

【請求項 1 4】 一対の基板間に液晶を封入してなる液晶表示装置において

前記一対の基板のセルギャップを決定するスペーサが、圧縮変位が異なる複数の膜を積層して構成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 1 5】 第 1 の基板上に第 1 のフォトリソ膜を形成し、該第 1 のフォトリソ膜を露光及び現像処理して、画素間の領域に第 1 のスペーサを選択的に形成する工程と、

前記第 1 の基板上に第 2 のフォトリソ膜を形成し、該第 2 のフォトリソ膜を露光及び現像処理して、前記画素間の領域であって前記第 1 のスペーサが形成されていない領域に、前記第 1 のスペーサと高さが異なる第 2 のスペーサを形成する工程と、

前記第 1 のスペーサ及び前記第 2 のスペーサのいずれか一方の先端部分を第 2 の基板に接触させて前記第 1 の基板と前記第 2 の基板とを接合し、両者の間に液晶を封入する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 1 6】 第 1 の基板の画素間の領域に、圧縮変位が異なる材料からなる複数の膜を積層してスペーサを形成する工程と、

前記スペーサの先端部分を第 2 の基板に接触させて、前記第 1 の基板と第 2 の基板とを接合し、両者の間に液晶を封入する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 1 7】 第 1 の基板上にブラックマトリクス及びカラーフィルタを形成する工程と、

前記第 1 の基板の上側全面に第 1 のフォトリソ膜を形成し、該第 1 のフォトリソ膜を露光及び現像処理して、前記カラーフィルタの上にドメイン規制用突起部を形成するとともに、前記ブラックマトリクスの上方にレジスト樹脂膜を選択的に形成する工程と、

前記第 1 の基板の上側全面に第 2 のフォトリソ膜を形成し、この第 2 のフォトリソ膜を露光及び現像処理して、前記ブラックマトリクスの上方に、第 2 のフォトリソ膜からなる第 1 のスペーサを形成するとともに、前記レジスト樹脂膜とその上の前記第 2 のフォトリソ膜とからなる第 2 のスペーサを形

成する工程と、

前記第 2 のスペーサの先端部分を第 2 の基板に接触させて前記第 1 の基板と前記第 2 の基板とを接合し、両者の間に液晶を封入する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 1 8】 基板上にブラックマトリクス及びカラーフィルタを形成する工程と、

前記基板の上側全面に第 1 のフォトリソ膜を形成し、該第 1 のフォトリソ膜を露光及び現像処理して、前記カラーフィルタの上にドメイン規制用突起部を形成するとともに、前記ブラックマトリクスの上方にレジスト樹脂膜を選択的に形成する工程と、

前記基板の上側全面に第 2 のフォトリソ膜を形成し、この第 2 のフォトリソ膜を露光及び現像処理して、前記ブラックマトリクスの上方に、第 2 のフォトリソ膜からなる第 1 のスペーサを形成するとともに、前記レジスト樹脂膜とその上の前記第 2 のフォトリソ膜とからなる第 2 のスペーサを形成する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタ基板の製造方法。

【請求項 1 9】 第 1 の基板上にブラックマトリクスを形成する工程と、

前記第 1 の基板の画素部にカラーフィルタを形成するとともに、前記ブラックマトリクスの所定の領域上にのみカラーフィルタを形成する工程と、

前記第 1 の基板の上側全面にフォトリソ膜を形成し、このフォトリソ膜を露光及び現像処理して、前記ブラックマトリクスに積層された前記カラーフィルタの上と、カラーフィルタが積層されていない前記ブラックマトリクス上にそれぞれスペーサを形成する工程と、

前記カラーフィルタ上の前記スペーサの先端部分を第 2 の基板に接触させて前記第 1 の基板と前記第 2 の基板とを接合し、両者の間に液晶を封入する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 2 0】 基板上にブラックマトリクスを形成する工程と、

前記基板の画素部にカラーフィルタを形成するとともに、前記ブラックマトリクスの所定領域上にのみカラーフィルタを形成する工程と、

前記基板の上側全面にフォトリジスト膜を形成し、このフォトリジスト膜を露光及び現像処理して、前記ブラックマトリクスに積層された前記カラーフィルタの上と、カラーフィルタが積層されていない前記ブラックマトリクス上とにそれぞれスペーサを形成する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタ基板の製造方法。

【請求項 2 1】 一对の基板と、前記一对の基板間に介在して前記一对の基板間に隙間を形成する複数のスペーサと、前記一对の基板間に封入された液晶とを有する液晶表示装置において、

前記スペーサの分布密度を  $n$  (個/cm<sup>2</sup>)、前記スペーサ 1 つあたりに  $9.8/n$  (N) の力を加えたときの変位量を  $x$  とし、前記一对の基板間の平均間隔を  $d$  とし、60℃における前記液晶の密度を  $q_{60}$  (g/cm<sup>3</sup>)、-20℃における前記液晶の密度を  $q_{-20}$  (g/cm<sup>3</sup>) としたときに、下記不等式を満たすことを特徴とする液晶表示装置。

$$x/d > (1/q_{60} - 1/q_{-20}) / (1/q_{60})$$

【請求項 2 2】 一对の基板と、前記一对の基板間に介在して前記一对の基板間に隙間を形成する複数のスペーサと、前記一对の基板間に封入された液晶とを有する液晶表示装置において、

前記スペーサの分布密度を  $n$  (個/cm<sup>2</sup>)、前記スペーサ 1 つあたりに  $9.8/n$  (N) の力を加えたときの変位量を  $x$  とし、前記一对の基板間の平均間隔を  $d$  とし、60℃における前記液晶の密度を  $q_{60}$  (g/cm<sup>3</sup>)、20℃における前記液晶の密度を  $q_{20}$  (g/cm<sup>3</sup>) としたときに、下記不等式を満たすことを特徴とする液晶表示装置。

$$x/d > 2 \times (1/q_{60} - 1/q_{20}) / (1/q_{60})$$

【請求項 2 3】 薄膜トランジスタを有する TFT 基板と、複数色のカラーフィルタを有する CF 基板と、これらの TFT 基板と CF 基板との間に封入された液晶とにより構成された液晶表示装置において、

前記 TFT 基板は、

透明基板と、

前記透明基板の上に形成された前記薄膜トランジスタと、



少なくとも前記薄膜トランジスタを被覆する絶縁性の最終保護膜と、  
前記最終保護膜を除去した部分で前記薄膜トランジスタと電氣的に接続され、  
画素領域上に延び出した画素電極とを有し、

前記複数色のうちの少なくとも1色の画素領域では、前記画素電極と前記透明  
基板との間に前記最終保護膜が介在しないことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項24】 薄膜トランジスタを有するTFT基板と、複数色のカラー  
フィルタを有するCF基板と、これらのTFT基板とCF基板との間に封入され  
た液晶とにより構成された液晶表示装置において、

前記TFT基板は、  
透明基板と、  
前記透明基板の上に形成された薄膜トランジスタと、  
少なくとも前記薄膜トランジスタを被覆する絶縁性の最終保護膜と、  
前記最終保護膜を除去した部分で前記薄膜トランジスタと電氣的に接続され、  
画素領域上に延び出した画素電極とを有し、  
前記画素電極と前記透明基板との間に介在する前記最終保護膜の厚さが、前記  
薄膜トランジスタの上の前記最終保護膜の厚さよりも薄いことを特徴とする液晶  
表示装置。

【請求項25】 基板上に複数本のゲートバスラインを形成する工程と、  
前記基板の上側全面に、前記ゲートバスラインを被覆する第1の絶縁膜を形成  
する工程と、

前記第1の絶縁膜の上に複数本のデータバスラインを形成するとともに、各画  
素領域に対応して薄膜トランジスタを形成する工程と、

前記基板の上側全面に、前記薄膜トランジスタを被覆する第2の絶縁膜を形成  
する工程と、

前記薄膜トランジスタの上の前記第2の絶縁膜を選択的にエッチングして前記  
薄膜トランジスタの電極を露出させるとともに、前記画素領域の上の前記第2の  
絶縁膜をエッチングする工程と、

前記基板の上側全面に導電膜を形成し、該導電膜をパターンニングして、各画素  
領域毎にそれぞれ画素電極を形成する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 2 6】 相互に色が異なる複数のカラーフィルタを積層して形成されたブラックマトリクスを有する第 1 の基板と、画素電極を有する第 2 の基板とをシール材で貼り合わせ、液晶注入口から前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との間に液晶を注入した液晶表示装置において、

前記第 1 の基板の前記液晶注入口に積層された複数のカラーフィルタからなる柱と、

前記柱の上に形成されてその先端が前記第 2 の基板に接触したギャップ保持用スペーサとを有することを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2 7】 画素部のカラーフィルタの上に、前記ギャップ保持用スペーサと同一材料からなるドメイン規制用突起部を有することを特徴とする請求項 2 6 に記載の液晶表示装置。

【請求項 2 8】 第 1 の基板上の画素部にそれぞれ赤色、緑色及び青色のカラーフィルタのいずれか 1 色のカラーフィルタを形成するとともに、画素間の領域及び表示領域外側の遮光領域に前記カラーフィルタのうちの 2 色のカラーフィルタを積層してブラックマトリクスを形成し、液晶注入口となる部分に前記赤色、緑色及び青色のカラーフィルタのうちの 2 色以上のカラーフィルタを積層して柱を形成する工程と、

前記画素部のカラーフィルタの上にドメイン規制用突起部を形成するとともに、前記カラーフィルタを積層してなる柱の上に第 1 のギャップ保持用スペーサを形成する工程と、

前記第 1 のギャップ保持用スペーサの先端を第 2 の基板に接触させて、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板とを接合する工程と、

前記液晶注入口を介して前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との間に液晶を注入する工程と、

前記液晶注入口を封止する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項 2 9】 基板上の画素部にそれぞれ赤色、緑色及び青色のカラーフィルタのいずれか 1 色のカラーフィルタを形成するとともに、画素間の領域及び

表示領域外側の遮光領域に前記カラーフィルタのうちの２色のカラーフィルタを積層してブラックマトリクスを形成し、液晶注入口となる部分に前記赤色、緑色及び青色のカラーフィルタのうちの２色以上のカラーフィルタを積層して柱を形成する工程と、

前記画素部のカラーフィルタの上にドメイン規制用突起部を形成するとともに、前記カラーフィルタを積層してなる柱の上に第１のギャップ保持用スペーサを形成する工程と

を有することを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタ基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、カラー表示が可能であり、表示品質が優れた液晶表示装置及びその製造方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

アクティブマトリクス型液晶表示装置は、非選択時にオフ状態となって信号を遮断するスイッチ素子を各画素に設けることによってクロストークを防止するものであり、単純マトリクス方式の液晶表示装置に比べて優れた表示特性を示す。特に、スイッチ素子としてＴＦＴ（Thin Film Transistor：薄膜トランジスタ）を使用した液晶表示装置は、ＴＦＴの駆動能力が高いので、ＣＲＴ（Cathode-Ray Tube）に匹敵するほど優れた表示特性を示す。

【 0 0 0 3 】

一般的に、液晶表示装置は２枚の透明基板の間に液晶を封入した構造を有している。それらの透明基板の相互に対向する２つの面（対向面）のうち、一方の面側にはコモン電極、カラーフィルタ及び配向膜等が形成され、また他方の面側にはＴＦＴ、画素電極及び配向膜等が形成されている。更に、各透明基板の対向面と反対側の面には、それぞれ偏光板が貼り付けられている。これらの２枚の偏光板は、例えばＴＮ（Twisted Nematic）型液晶表示装置の場合、偏光板の偏光軸が互いに直交するように配置され、これによれば、電界をかけない状態では光を

透過し、電界を印加した状態では遮光するモード、すなわちノーマリーホワイトモードとなる。また、2枚の偏光板の偏光軸が平行な場合には、ノーマリーブラックモードとなる。以下、T F T 及び画素電極等が形成された基板をT F T 基板と呼び、コモン電極及びカラーフィルタ等が形成された基板をC F 基板と呼ぶ。

## 【 0 0 0 4 】

近年、液晶表示装置のより一層の高性能化が要求されており、特に視角特性の改善及び表示品質の向上が強く要求されている。このような要求を満たすものとして、垂直配向（Vertically Aligned：V A）型液晶表示装置、特にM V A（Multi-domain Vertical Alignment）型液晶表示装置が有望視されている。

図 7 3 は従来のM V A型液晶表示装置の一例を示す断面図である。

## 【 0 0 0 5 】

この液晶表示装置は、T F T 基板 5 1 0 と、C F 基板 5 2 0 と、これらの基板 5 1 0、5 2 0 間に封入された垂直配向型液晶 5 2 9 とにより構成されている。また、T F T 基板 5 1 0 の下及びC F 基板 5 2 0 の上には、それぞれ偏光板（図示せず）が、例えば偏光軸を直交させて配置されている。

T F T 基板 5 1 0 は、以下のように形成されている。すなわち、透明ガラス基板 5 1 1 の上には、マトリクス状に配列された複数の画素電極 5 1 6 と、画素電極 5 1 6 に接続されたT F T（図示せず）と、そのT F Tを介して画素電極 5 1 6 に画像データを供給するデータバスライン及びゲートバスライン（いずれも図示せず）とが形成されている。画素電極 5 1 6 は、I T O（indium-tin oxide：インジウム酸化スズ）等の透明導電体により形成されている。

## 【 0 0 0 6 】

また、画素電極 5 1 6 の上にはドメイン規制用突起部 5 1 7 が形成されている。更に、画素電極 5 1 6 及び突起部 5 1 7 の表面はポリイミド等からなる配向膜（図示せず）に覆われている。

一方、C F 基板 5 2 0 は以下のように構成されている。すなわち、ガラス基板 5 2 1 の下面側には、C r（クロム）等からなるブラックマトリクス 5 2 2 が形成されており、このブラックマトリクス 5 2 2 により画素間の領域が遮光されるようになっている。また、ガラス基板 5 2 1 の下面側には、各画素毎に、赤色（

R)、緑色(G)及び青色(B)のいずれか1色のカラーフィルタ523が形成されている。カラーフィルタ523の下にはITO等の透明導電体からなるコモン電極524が形成されている。コモン電極524の下にはドメイン規制用突起部525が形成されている。また、コモン電極524及び突起部525の表面はポリイミド等からなる配向膜(図示せず)に覆われている。

#### 【0007】

このように構成された液晶表示装置において、電圧を印加しない状態では、液晶分子529aは配向膜に垂直な方向に配向する。この場合は、TFT基板510の下側から偏光板を通して入射した光は、CF基板520の上に配置された偏光板により遮断されるため、暗表示となる。一方、画素電極516とコモン電極524との間に十分な電圧を印加すると、図74に示すように、液晶分子529aは電界に垂直な方向に配列する。この場合に、突起部517、525の両側では液晶分子529の倒れる方向が異なり、いわゆる配向分割(マルチドメイン)が達成される。この状態では、TFT基板510の下側から偏光板を通して入射した光は、CF基板520の上に配置された偏光板を通過するため、明表示となる。各画素毎に印加電圧を制御することにより、液晶表示装置に所望の画像を表示することができる。また、上述した配向分割により斜め方向の光の漏れが抑制され、視角特性が改善される。

#### 【0008】

なお、上記の例ではTFT基板510及びCF基板520にいずれも突起部を形成する場合について説明したが、図75に示すように、一方の基板の電極(図75ではTFT基板側の画素電極)にスリット516aを設けても、同様に配向分割を達成することができる。

ところで、一般的に、従来の液晶表示装置では、画素電極とコモン電極との間の隙間(セルギャップ)を一定に維持するために、直径が均一な球形又は棒状のスペーサが使用されている。スペーサは樹脂又はセラミック等により形成されており、TFT基板510とCF基板520とを貼り合わせるときに、いずれか一方の基板の上に散布される。従って、画素電極とコモン電極との間のセルギャップは、スペーサの直径により決定される。

【 0 0 0 9 】

なお、特開平 1 0 - 6 8 9 5 5 公報及び特開平 1 1 - 2 6 4 9 6 8 号公報には、球形又は棒状のスペーサに起因するセルギャップの不均一等の不具合の発生を回避するために、フォトリジストを使用して形成した柱状の部材をスペーサとして使用することが記載されている。

【 0 0 1 0 】

【発明が解決しようとする課題】

従来の液晶表示装置では、表示品質が十分でなく、より一層の改善が望まれている。

本発明は、従来に比べてより良好な表示品質が得られる液晶表示装置、その製造方法、カラーフィルタ基板及びその製造方法を提供することを目的とする。

【 0 0 1 1 】

【課題を解決するための手段】

本願請求項 1 に記載の液晶表示装置は、一対の基板間に垂直配向型液晶（ネガ型液晶）を封入した垂直配向型液晶表示装置において、前記一対の基板の少なくとも一方に形成されてセルギャップを一定に維持するセルギャップ調整用スペーサと、前記スペーサが形成された基板側に、前記スペーサと同一材料により同一工程で形成された、前記スペーサよりも高さが低いドメイン規制用突起部とを有することを特徴とする。

【 0 0 1 2 】

本発明においては、セルギャップを一定に維持するためのスペーサと、該スペーサよりも高さが低いドメイン規制用突起部とを有し、これらのスペーサ及び突起部が同一材料により同一工程で形成されている。

これらのスペーサ及び突起部は、例えば請求項 2 及び請求項 3 に記載のように、基板上にフォトリジスト膜を形成し、そのフォトリジスト膜のスペーサ形成領域と突起部形成領域とを異なる光量で露光した後、現像処理することにより形成する。この場合、スペーサ形成領域と突起部形成領域との露光量が異なるので、レジスト膜厚が相互に異なるスペーサ及び突起部を同時に形成することができる。

## 【 0 0 1 3 】

また、請求項 5 及び請求項 6 に記載のように、スペーサ形成用パターンの幅に比べて突起部形成用パターンの幅を狭くし、露光後にポストバークを行ってレジスト（樹脂）をリフローさせることによって、スペーサと、該スペーサよりも高さが低い突起部とを同時に形成することもできる。

本願請求項 8 に記載の液晶表示装置は、基板上に赤色、緑色及び青色のうちのいずれか 2 色以上のカラーフィルタを積層してブラックマトリクスとする液晶表示装置において、上層のカラーフィルタのエッジにより、赤色画素、緑色画素及び青色画素のうちのいずれか 2 以上の画素のエッジを決定する構造を有することを特徴とする。

## 【 0 0 1 4 】

一般的に、液晶表示装置のカラーフィルタは、顔料分散樹脂を使用したフォトレジストを使用して形成される。この場合、カラーフィルタをパターニングするための露光工程で、露光機のステージに存在する溝等からの反射光の影響により、カラーフィルタのエッジの位置がずれてしまうことがある。ブラックマトリクスを Cr 等の金属膜や黒色樹脂により形成する一般的な液晶表示装置の場合は、画素のエッジがブラックマトリクスのエッジにより決定されるが、2 色以上のカラーフィルタを積層してブラックマトリクスとする液晶表示装置においては、露光装置のステージからの反射光によるカラーフィルタのエッジの位置ずれにより画素のエッジの位置が変化して、表示不良の原因となる。

## 【 0 0 1 5 】

この場合、上記のように、基板上の上層（2 層目又は 3 層目）のカラーフィルタのエッジにより、赤色画素、緑色画素及び青色画素のうちのいずれか 2 以上の画素のエッジを決定する構造とすることにより、露光装置のステージからの反射光の影響を低減することができる。

すなわち、2 色以上のカラーフィルタを積層してブラックマトリクスとする場合、1 層目のカラーフィルタ（一般的には青色カラーフィルタ）により画素のエッジを決めている。しかしながら、1 層目のカラーフィルタは、露光時にステージからの反射光の影響を受けやすく、エッジの位置ずれが発生しやすい。

## 【 0 0 1 6 】

しかし、2層目又は3層目のカラーフィルタのエッジにより画素のエッジを決めるようにすれば、ステージからの反射光は1層目のカラーフィルタにより吸収されるので、画素部のエッジの位置ずれが発生しにくくなる。但し、製造上の都合により1つの色の画素のエッジを1層目のカラーフィルタのエッジで決める場合は、当該画素の周囲のブラックマトリクスを、OD（オプティカルデンシティ）値の小さいカラーフィルタの組み合わせ、すなわち、赤色カラーフィルタと緑色カラーフィルタの積層、又は緑色カラーフィルタと青色カラーフィルタとの積層により形成することが好ましい。なお、OD値は、 $OD値 = -\log（出射強度 / 入射強度）$ で定義される。

## 【 0 0 1 7 】

また、基板としてUV吸収能力が高いアクリル樹脂の板を使用したり、ガラス基板の表面上にUV吸収能力が高いアクリル樹脂等の皮膜を形成することが好ましい。これにより、露光機のステージからの反射光に起因する表示むらをより一層低減することができる。更に、1層目又は2層目のカラーフィルタ中に、紫外線を吸収しやすい材料（例えば、HALS（ヒンダードアミンライトスラビライザー等）を添加してもよい。

## 【 0 0 1 8 】

本願請求項12に記載の液晶表示装置は、第1のスペーサと、それよりも高さが低い第2のスペーサが設けられており、通常時においては第1のスペーサによりセルギャップが決定される。液晶表示装置に加えられる圧力が比較的低いときは、第1のスペーサのみに圧力がかかって、第1のスペーサが弾性変形する。すなわち、温度による液晶の熱膨張や熱収縮に対応して第1のスペーサが弾性変形し、セルギャップが変化するので、液晶表示装置内に気泡が発生したり、スペーサと基板との間が離れることに起因するセルギャップのばらつき等の不具合が防止される。

## 【 0 0 1 9 】

また、過剰な圧力が印加された場合は、第1のスペーサに加えて第2のスペーサが他方の基板に接触し、圧力が広い範囲に分散される。これにより、過剰な圧



力によるスペーサの塑性変形や、画素電極とコモン電極との短絡等の不具合が回避される。

前記第 1 のスペーサ及び第 2 のスペーサは、圧縮変位が異なる材料から形成されていることが好ましい。例えば、第 1 のスペーサを圧縮変位が大きい（弾性力が大きい）材料により形成し、第 2 のスペーサを圧縮変位が小さい（弾性力が小さい）材料により形成することにより、上記の効果がより一層大きくなる。

#### 【 0 0 2 0 】

また、セルギャップを決定するスペーサが、圧縮変位が異なる複数の膜を積層して構成された構造を有するものであっても、上記と同様の効果が得られる。

上記した第 1 のスペーサ及び第 2 のスペーサは、例えばフォトレジスト膜を使用して形成することができる。この場合、例えば第 1 のスペーサを形成するためのフォトレジスト膜の厚さを厚くし、第 2 のスペーサを形成するためのフォトレジスト膜の厚さ薄くすることにより、高さが異なるスペーサを形成することができる。

#### 【 0 0 2 1 】

また、垂直配向型液晶表示装置の場合は、基板上にドメイン規制用の突起部を形成することがあるが、その突起部を形成するためのフォトレジスト膜を使用して、高さが異なるスペーサを容易に形成することができる。すなわち、第 1 のフォトレジスト膜を使用して突起部を形成する際に、高さが高いスペーサ（第 1 のスペーサ）を形成する部分にも第 1 のフォトレジスト膜を残す。その後、基板の上側全面に第 2 のフォトレジスト膜を形成し、第 1 のスペーサ形成部及び高さが低いスペーサを形成する部分（第 2 のスペーサ形成部）に第 2 のフォトレジスト膜を残して、他の部分の第 2 のフォトレジスト膜を除去する。これにより、第 1 のフォトレジスト膜の厚さに相当する分だけ高さが異なる 2 種類のスペーサを形成することができる。

#### 【 0 0 2 2 】

また、カラーフィルタを形成する際に、高さが高いスペーサを形成する部分にもカラーフィルタを形成し、高さが低いスペーサを形成する部分にはカラーフィルタを形成しないで、これらの間に段差を設けておく。その後、基板の上側全面

にレジスト膜を形成し、スペーサ形成部を残して他の部分のレジスト膜を除去する。これにより、カラーフィルタの厚さに相当する分だけ高さが異なる２種類のスペーサを形成することができる。

## 【 0 0 2 3 】

本願請求項 2 1 に記載の液晶表示装置は、スペーサの分布密度を  $n$  (個/cm<sup>2</sup>)、前記スペーサ 1 つあたりに  $9.8/n$  (N) の力を加えたときの変位量を  $x$  とし、前記一对の基板間の平均間隔を  $d$  とし、60℃における前記液晶の密度を  $q_{60}$  (g/cm<sup>3</sup>)、-20℃における前記液晶の密度を  $q_{-20}$  (g/cm<sup>3</sup>) としたときに、前記スペーサの荷重に対する変位量が下記 (1) 式に示す不等式を満たすことを特徴とする。

## 【 0 0 2 4 】

$$x/d > (1/q_{60} - 1/q_{-20}) / (1/q_{60}) \quad \cdots (1)$$

液晶表示装置内に封入された液晶は、温度に応じて膨張又は収縮する。セルギャップを決めるスペーサに弾力性がないとすると、液晶が膨張したときに、スペーサの先端が基板から離れてセルギャップのばらつきが発生し、表示むらの原因となる。また、液晶が収縮したときには、液晶の圧力低下により気泡が発生して、表示品質が著しく低下することがある。従って、スペーサには、温度変化による液晶の膨張又は収縮に対応できる程度の弾力性（伸縮性）が要求される。

## 【 0 0 2 5 】

本願発明者らの種々の実験の結果、上記の (1) 式を満たすようにスペーサの材質又は密度等を設定することにより、液晶の膨張又は収縮に起因する表示不良を防止することができることが判明している。但し、温度が低くなると液晶の粘度が著しく高くなったり、相転移が生じるため、液晶の密度を確定することができないことがある。20℃における液晶の密度  $q_{20}$  が確定できる場合は、下記 (2) 式に示す不等式を満たすように、スペーサの材質及び密度を設定してもよい。

## 【 0 0 2 6 】

$$x/d > 2 \times (1/q_{60} - 1/q_{20}) / (1/q_{60}) \quad \cdots (2)$$

本願請求項 2 3 に記載の液晶表示装置は、薄膜トランジスタを有する TFT 基

板と、複数色のカラーフィルタを有するＣＦ基板と、これらのＴＦＴ基板とＣＦ基板との間に封入された液晶とにより構成された液晶表示装置において、前記ＴＦＴ基板は、透明基板と、前記透明基板の上に形成された前記薄膜トランジスタと、少なくとも前記薄膜トランジスタを被覆する絶縁性の最終保護膜と、前記最終保護膜を除去した部分（例えば、コンタクトホール）で前記薄膜トランジスタと電氣的に接続され、画素領域上に延び出した画素電極とを有し、前記複数色のうちの少なくとも１色の画素領域では、前記画素電極と前記透明基板との間に前記最終保護膜が介在しないことを特徴とする。

## 【 0 0 2 7 】

本発明においては、画素電極と透明基板との間に最終保護膜が介在しない。これにより、画素電極とコモン電極との間の間隔（セルギャップ）が最終保護膜の分だけ大きくなり、スペーサの高さを低くしても、所定のセルギャップを維持することができる。また、例えば複数色のうちの１色の画素領域のみにおいて画素電極と透明基板との間に最終保護膜を介在させず、他の画素領域では画素電極と透明基板との間に最終保護膜を介在させてもよい。これにより、色毎にセルギャップが異なる、いわゆるマルチセルギャップが達成される。

## 【 0 0 2 8 】

請求項 2 4 に記載の液晶表示装置は、画素電極と透明基板との間に介在する最終保護膜の厚さが、薄膜トランジスタの上の最終保護膜よりも薄くなっている。この場合も、上記と同様の効果が得られる。また、画素の色に応じて最終保護膜の厚さを調整することにより、色毎にセルギャップを最適化することができる。これにより、表示品質が向上する。

## 【 0 0 2 9 】

請求項 2 5 に記載の液晶表示装置の製造方法では、基板の上に第 1 の絶縁膜、薄膜トランジスタ及び第 2 の絶縁膜を形成した後、第 2 の絶縁膜にコンタクトホールを形成するとともに、画素領域上の第 2 の絶縁膜、又は第 2 の絶縁膜と第 1 の絶縁膜をエッチングする。このエッチングにより画素領域上の絶縁膜（第 1 の絶縁膜及び第 2 の絶縁膜）の厚さが薄くなり、又絶縁膜が除去されて、セルギャップが大きくなる。また、画素色に応じて第 2 の絶縁膜又は第 2 の絶縁膜と第 1

の絶縁膜のエッチング量を調整することにより、色毎にセルギャップを最適化することができる。

#### 【 0 0 3 0 】

この場合に、樹脂等を材料として第 2 の絶縁膜を厚く形成し、薄膜トランジスタの上に残存する第 2 の絶縁膜をスペーサ（セルギャップ調整用スペーサ）として使用することにより、製造工程が簡略化される。

請求項 2 6 に記載の液晶表示装置は、相互に色が異なる複数のカラーフィルタを積層して形成されたブラックマトリクスを有する第 1 の基板と、画素電極を有する第 2 の基板とをシール材で貼り合わせ、液晶注入口から前記第 1 の基板と前記第 2 の基板との間に液晶を注入した液晶表示装置において、前記第 1 の基板の前記液晶注入口に積層された複数のカラーフィルタからなる柱と、前記柱の上に形成されてその先端が前記第 2 の基板に接触したギャップ保持用スペーサとを有することを特徴とする。

#### 【 0 0 3 1 】

2 色以上のカラーフィルタを積層してブラックマトリクスとする液晶表示装置では、ブラックマトリクスの厚さが必然的に厚くなり、基板間の隙間（ギャップ）が狭くなる。このため、液晶の注入に要する時間がかかるようになる。また、フォトレジストを使用してセルギャップ調整用スペーサを形成するとき、表示領域の外側にギャップ保持用スペーサを形成しないと、基板間の隙間が一定とならないため、液晶注入時間のばらつきが大きくなり、注入不足による気泡の発生や、注入過多によるセルギャップの増大等の不具合が発生する。

#### 【 0 0 3 2 】

そこで、本発明においては、液晶注入口となる部分に、隙間を一定に保持するためのスペーサ（ギャップ保持用スペーサ）を形成する。このスペーサにより、液晶注入口の隙間が一定に保持されるので、液晶注入時間のばらつきが回避され、気泡の発生やセルギャップの増大等の不具合が防止される。

請求項 2 8 に記載の液晶表示装置の製造方法は、第 1 の基板上の画素部にそれぞれ赤色、緑色及び青色のカラーフィルタのいずれか 1 色のカラーフィルタを形成するとともに、画素間の領域及び表示領域外側の遮光領域に前記カラーフィル

タのうちの2色のカラーフィルタを積層してブラックマトリクスを形成し、液晶注入口となる部分に前記赤色、緑色及び青色のカラーフィルタのうちの2色以上のカラーフィルタを積層して柱を形成する工程と、前記画素部のカラーフィルタの上にドメイン規制用突起部を形成するとともに、前記液晶注入口となる部分に積層されたカラーフィルタからなる柱の上に第1のギャップ保持用スペーサを形成する工程と、前記第1のギャップ保持用スペーサの先端を第2の基板に接触させて、前記第1の基板と前記第2の基板とを接合する工程と、前記液晶注入口を介して前記第1の基板と前記第2の基板との間に液晶を注入する工程と、前記液晶注入口を封止する工程とを有することを特徴とする。

#### 【0033】

このように、液晶注入口となる部分に、赤色、緑色及び青色のカラーフィルタのうちの少なくとも2色以上のカラーフィルタを積層して柱を形成し、その上にギャップ保持用スペーサを表示領域のドメイン規制用突起部と同時に形成することにより、液晶注入口の部分の隙間を一定に維持することができる。また、製造工程数の増加も回避できる。

#### 【0034】

液晶注入口の部分の第1のギャップ保持用スペーサの高さ（基板表面からの高さ）を、表示領域内のセルギャップ調整用スペーサの高さ（基板表面からの高さ）よりも高くすることが好ましい。これにより、液晶注入口の部分のギャップが大きくなり、液晶の注入時間を短縮することができる。また、液晶注入口の封止には一般的にUV（紫外線）硬化型樹脂が使用されるが、この種のUV硬化型樹脂は硬化時に収縮するという性質がある。従って、液晶注入口の部分の第1のギャップ保持用スペーサの高さを、表示領域内のセルギャップ調整用スペーサの高さよりも高くしておく、UV硬化型樹脂の硬化時に液晶注入口の部分の第1及び第2の基板間のギャップが狭くなり、液晶パネル全体にわたってセルギャップが均一になる。

#### 【0035】

#### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。

## (第 1 の実施の形態)

図 1 は本発明の第 1 の実施の形態の液晶表示装置の断面図、図 2 は同じくその液晶表示装置のスペーサ形成部を拡大して示す図、図 3 は同じくその液晶表示装置の T F T 基板を示す平面図、図 4 は同じくその液晶表示装置の C F 基板を示す平面図である。なお、図 1、図 2 は、図 4 の矢印 A で示す線の位置における断面である。

## 【 0 0 3 6 】

本実施の形態の液晶表示装置は、T F T 基板 1 0 と C F 基板 2 0 との間に垂直配向型液晶（ネガ型液晶）2 9 を封入した構造を有している。また、T F T 基板 1 0 の下側及び C F 基板 2 0 の上側にはそれぞれ偏光板（図示せず）が配置されている。これらの偏光板は、偏光軸が相互に直交するように配置されている。

T F T 基板 1 0 は、ガラス又はプラスチック等の透明材料からなる基板（以下、単に「ガラス基板」という）1 1 と、このガラス基板 1 1 の上面側に形成された画素電極 1 6 a、絶縁膜 1 3、1 5 及び配向膜 1 7 等により構成される。すなわち、ガラス基板 1 1 の下面側には、図 3 に示すように、複数本のゲートバスライン 1 2 a が相互に平行に形成されている。また、各ゲートバスライン 1 2 a の間には、それぞれ補助容量バスライン 1 2 b が形成されている。これらのゲートバスライン 1 2 a 及び補助容量バスライン 1 2 b は、ガラス基板 1 1 の上面側に形成された絶縁膜（ゲート絶縁膜）1 3 に被覆されている（図 2 参照）。この絶縁膜 1 3 の上には、T F T 1 8 の活性層となるシリコン膜 1 8 a が選択的に形成されている。このシリコン膜 1 8 a は、アモルファスシリコン又はポリシリコンからなる。

## 【 0 0 3 7 】

シリコン膜 1 8 a は図示しない絶縁膜により覆われており、その絶縁膜の上には複数本のデータバスライン 1 4 a、T F T 1 8 のソース電極 1 8 b 及びドレイン電極 1 8 c が形成されている。データバスライン 1 4 a は、ゲートバスライン 1 2 a と直角に交差するように配置されている。また、ゲートバスライン 1 2 a とデータバスライン 1 4 a とにより区画された矩形の領域がそれぞれ画素となる領域である。

## 【 0 0 3 8 】

これらのデータバスライン 1 4 a、ソース電極 1 8 b 及びドレイン電極 1 8 c は、絶縁膜（最終保護膜） 1 5 により覆われている。そして、この絶縁膜 1 5 の上には、ITO からなる画素電極 1 6 a が、画素毎に 1 つずつ形成されている。この画素電極 1 6 a は、絶縁膜 1 5 に形成されたコンタクトホールを介してソース電極 1 8 b と電氣的に接続されている。

## 【 0 0 3 9 】

画素電極 1 6 a には、図 3 に示すジグザグ状の一点鎖線に沿ってスリット 1 6 b が形成されている。また、ガラス基板 1 1 の上側全面には垂直配向膜 1 7 が形成されており、この垂直配向膜 1 7 により画素電極 1 6 a の表面が覆われている。

一方、CF 基板 2 0 は、ガラス基板 2 1 と、ガラス基板 2 1 の下面側に形成されたブラックマトリクス 2 2、カラーフィルタ 2 3 R、2 3 G、2 3 B、コモン電極 2 4、スペーサ 2 5 a、突起部 2 5 b 及び垂直配向膜 2 6 等により構成される。すなわち、図 2 に示すように、ガラス基板 2 1 の下面上には、クロム（Cr）の薄膜からなるブラックマトリクス 2 2 が形成されている。このブラックマトリクス 2 2 は、図 4 に示すように、TFT 基板 2 0 のゲートバスライン 1 2 a、データバスライン 1 4 a、補助容量バスライン 1 2 b 及び TFT 1 8 を覆う形状に形成されている。

## 【 0 0 4 0 】

また、ガラス基板 2 1 の下面側には、赤（R）、緑（G）及び青（B）のカラーフィルタ 2 3 R、2 3 G、2 3 B が形成されている。これらのカラーフィルタ 2 3 R、2 3 G、2 3 B は TFT 基板 1 0 の画素電極 1 6 a に対向する位置に配置され、1 つの画素電極 1 6 a に赤、緑又は青のカラーフィルタ 2 3 R、2 3 G、2 3 B のうちのいずれか 1 つが対応している。

## 【 0 0 4 1 】

ブラックマトリクス 2 2 及びカラーフィルタ 2 3 R、2 3 G、2 3 B の下側には、ITO からなるコモン電極 2 4 が形成されている。また、このコモン電極 2 4 の下側には、セルギャップ調整用のスペーサ 2 5 a とドメイン規制用の突起部

25bとが形成されている。突起部25bは、図4に示すようにジグザグ形状に形成されており、スペーサ25aはゲートバスライン12aとデータバスライン14aとが交差する位置の近傍に配置されている。スペーサ25aの高さ（コモン電極表面からの高さ）は約4.0 $\mu$ mであり、絶縁性樹脂により形成されている。また、突起部25bの高さ（コモン電極表面からの高さ）は約1.5 $\mu$ mであり、後述するように、スペーサ25aと同一材料により同時に形成される。なお、図4において、一点鎖線はTFT基板10の画素電極16aに設けられたスリット16bの位置を示している。コモン電極24の下には垂直配向膜26が形成されており、スペーサ25a及び突起部25bの表面はこの垂直配向膜26に覆われている。

#### 【0042】

本実施の形態においては、CF基板20側の突起部25bは約1.5 $\mu$ mの高さに形成されており、スペーサ25aは約4.0 $\mu$ mの高さに形成されている。そして、図1に示すように、スペーサ25aの先端部分がTFT基板10に接触し、セルギャップを一定に維持している。このため、本実施の形態では、従来必要とされていた球形又は棒状のスペーサが不要であり、スペーサを散布する工程を削減できる。また、所定の位置に形成されたスペーサ25aによりTFT基板10側の画素電極16aとCF基板20側のコモン電極24との間隔を一定に維持できるので、画素電極16aとコモン電極24との短絡を確実に回避することができる。更に、従来の液晶表示装置のように球形又は棒状のスペーサを使用した場合、スペーサの近傍では液晶分子がスペーサの表面に沿って配向してしまうため、配向が乱れて表示不良の原因となることがあるが、本実施の形態では、球形又は円柱形のスペーサを使用しないので、良好な表示品質が得られる。

#### 【0043】

更にまた、本実施の形態においては、TFT基板10側の画素電極16aに設けられたスリット16bとCF基板20側に設けられた突起部25bとにより配向分割が達成されるので、良好な視角特性及びコントラスト特性が得られる。

また、本実施の形態においては、CF基板20側に設けられたスペーサ25aによりセルギャップを一定に維持する。このスペーサ25aはコモン電極24上



に固定されており、振動や衝撃によりセルギャップが変化することがない。従って、スペーサの移動に起因する表示品質の劣化が回避される。

#### 【 0 0 4 4 】

以下、第 1 の実施の形態の液晶表示装置の製造方法について説明する。

図 5 ～ 図 9 は本実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を工程順に示す図である。

まず、図 5 ( a ) に示すように、透明基板 2 1 の一方の面 ( 図では上面 ) に低反射 C r ( クロム ) 膜を形成し、その上にノボラック系のポジ型フォトレジストを塗布する。そして、このフォトレジストを所定のマスクを用いて選択的に露光した後、現像処理を施して所定の領域にのみ C r 膜を残す。これにより、C r 膜からなるブラックマトリクス 2 2 が形成される。

#### 【 0 0 4 5 】

次に、基板 2 1 の上側全面に感光性の顔料分散タイプの赤色レジストを塗布し、露光及び現像処理を施して、図 5 ( b ) に示すように、赤色画素部に厚さが約  $1.5 \mu\text{m}$  の赤色カラーフィルタ 2 3 R を形成する。

次に、基板 2 1 の上側全面に感光性の顔料分散タイプの緑色レジストを塗布し、露光及び現像処理を施して、図 5 ( c ) に示すように、緑色画素部に厚さが約  $1.5 \mu\text{m}$  の緑色カラーフィルタ 2 3 G を形成する。

#### 【 0 0 4 6 】

次に、基板 2 1 の上側全面に感光性の顔料分散タイプの青色レジストを塗布し、露光及び現像処理を施して、図 6 ( a ) に示すように、青色画素部に厚さが約  $1.5 \mu\text{m}$  の青色カラーフィルタ 2 3 B を形成する。

次に、図 6 ( b ) に示すように、基板 2 1 の上側全面に I T O を約  $0.15 \mu\text{m}$  の厚さに成膜して、コモン電極 2 4 を形成する。

#### 【 0 0 4 7 】

次に、図 6 ( c ) に示すように、スピンコート法により、コモン電極 2 4 の上にポジ型感光性ノボラック系レジスト 2 5 を約  $4.0 \mu\text{m}$  の厚さに塗布した後、プリベークする。

次に、図 7 ( a ) の模式図に示すように、スペーサ形成部及び突起形成部を遮

光する大型マスク 2 7 を使用して、レジスト 2 5 をプロキシミティー露光する。このときの露光量は、レジスト 2 5 の露光部分が、現像処理後に残らない程度とすることが必要である。なお、図 7 ( a ) において、レジスト 2 5 中の網掛けは露光された部分を示す。また、図 7 ( a ) においては、ブラックマトリクス 2 2 及びカラーフィルタ 2 3 R , 2 3 G , 2 3 B の図示を省略している。

## 【 0 0 4 8 】

次に、図 7 ( b ) の模式図で示すように、スペーサ形成部を遮光する大型マスク 2 8 を使用して、レジスト 2 5 をプロキシミティー露光する。このときの露光量は、レジスト 2 5 の露光部分（突起形成部）が、現像処理後に 1 . 5  $\mu$  m の厚さに残る程度とする。

次いで、濃度が 2 . 2 % の TMAH（テトラメチルアンモニウムハイドロオキシド）アルカリ現像液を使用してレジスト 2 5 をシャワー現像する。これにより、図 8 ( a ) に示すように、レジスト 2 5 から、高さが異なるスペーサ 2 5 a 及び突起部 2 5 b が同時に形成される。その後、基板 2 1 をクリーンオープンに入れて、2 0 0 °C の温度で 1 時間程度ポストバークする。これにより、レジスト樹脂が軟化して、図 8 ( b ) に示すように、スペーサ 2 5 a 及び突起部 2 5 b の形状が若干変化する。ポストバーク後の C F 基板 2 0 の断面を図 9 に示す。

## 【 0 0 4 9 】

その後、基板 2 1 の上側全面に配向膜 2 6（図 2 参照）を形成し、この配向膜 2 6 によりコモン電極 2 4、スペーサ 2 5 a 及び突起部 2 5 b の表面を覆う。これにより、C F 基板が完成する。

一方、T F T 基板 1 0 は、公知の方法により形成する。すなわち、ガラス基板 1 1 上にゲートバスライン 1 2 a 及び蓄積容量バスライン 1 2 b を形成し、その上に絶縁膜（ゲート絶縁膜）1 3 を形成する。その後、絶縁膜 1 3 上に、T F T 1 8 の活性層となるシリコン膜 1 8 a を形成し、更にデータバスライン 1 4 a、T F T 1 8 のソース電極 1 8 b 及びドレイン電極 1 8 c を形成する（図 2、図 3 参照）。

## 【 0 0 5 0 】

次いで、ガラス基板 1 1 の上側全面に絶縁膜（最終保護膜）1 5 を形成し、そ

の上にITOからなる画素電極16aを形成する。このとき、画素電極16aには、図3に示すようにジグザグ状の線に沿ってスリット16bを形成する。その後、基板11の上側全面に配向膜17を形成し、この配向膜17により画素電極16aの表面を覆う。これにより、TFT基板10が完成する。

#### 【0051】

このようにして形成したTFT基板10及びCF基板20を、図1、図2に示すように、配向膜17、26が形成された面を相互に対向させ、スペーサ25aの先端部が画素間の領域（ゲートバスラインとデータバスラインとが交差する部分）に接触するように配置する。そして、TFT基板10又はCF基板20の少なくとも一方の基板の表示領域の外側にシール材を塗布し、このシール材によりTFT基板10とCF基板20とを接合する。その後、TFT基板10とCF基板20との間の空間内に液晶を注入し、液晶注入口を樹脂で封止する。これにより、液晶表示装置が完成する。

#### 【0052】

本実施の形態では、図7に示すように、フォトリソスト25を露光及び現像処理してスペーサ25aを形成するので、スペーサ25aの高さが均一であり、かつ所定の位置に配置することができる。従って、本実施の形態では、球形又は棒状のスペーサを散布する従来の方法に比べて、ドメイン規制用突起部25bを有するにもかかわらず、表示領域の全体にわたってセルギャップを一定に維持することができるという利点がある。このため、従来に比べて表示品質が向上する。また、本実施の形態においては、コモン電極24がスペーサ25aよりも基板21側に形成されているので、コモン電極24と画素電極16aとの間隔が大きく、短絡不良のおそれが少ない。

#### 【0053】

更に、本実施の形態においては、2種類のマスク27、28を使用し、レジスト25を2回露光することにより、高さが異なるスペーサ25aと突起部25bとを同時に形成するので、製造工程数の増加が回避される。これにより、視角特性が優れた液晶表示装置を容易に製造することができる。

なお、上記のように、スペーサ25a及び突起部25bの形成にポジ型レジス

トを用いる場合は、露光エネルギー（露光時間）に対するレジスト現像時の膜減りを緩やかにするために、露光時間（必要露光量）や分子量の大きいポジレジストを用いることが好ましい。また、プリベーク温度を上げたり、現像液の濃度を下げること、現像時の膜減り（単位時間当りのレジスト膜厚の減少率）を緩やかにするために効果的である。

## 【 0 0 5 4 】

更に、上記の例ではスペーサ 2 5 a 及び突起部 2 5 b を形成するための材料としてノボラック系レジストを使用した、これに限定されるものではなく、スペーサ 2 5 a 及び突起部 2 5 b の材料として、アクリル系樹脂レジスト又はエポキシ系樹脂レジストを使用してもよい。また、ポジ型ではなく、ネガ型感光性レジストを使用してもよい。

## 【 0 0 5 5 】

更にまた、上記の例では C F 基板 2 0 側にスペーサ 2 5 a 及び突起部 2 5 b を形成する場合について説明したが、T F T 基板側にスペーサ及び突起部を形成してもよい。この場合は、C F 基板 2 0 側のコモン電極 2 4 にスリット又は突起を形成する。

## （第 2 の実施の形態）

以下、本発明の第 2 の実施の形態について説明する。なお、第 2 の実施の形態が第 1 の実施の形態と異なる点は、C F 基板 2 0 のスペーサ 2 5 a 及び突起部 2 5 b の形成方法が異なることにあり、その他の構成は基本的に第 1 の実施の形態と同様であるので、重複する部分の説明は省略する。

## 【 0 0 5 6 】

図 1 0 ～図 1 4 は第 2 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図である。図 1 0 はマスクの遮光パターンと画素との位置関係を示す図であり、図 1 1 は形成後のスペーサ 2 5 a 及び突起部 2 5 b のパターンを示す図、図 1 2 ( a ) はスペーサ 2 5 a の形成部（図 1 1 の B - B 線）における断面図、図 1 2 ( b ) は突起部 2 5 b の形成部（図 1 1 の C - C 線）における断面図である。また、図 1 3 は図 1 1 の C - C 線の位置で製造方法を示す断面図、図 1 4 は図 1 1 の B - B 線の位置で製造方法を示す断面図である。これらの図 1 2 ～図 1 4 に

において、第 1 の実施の形態と同一物には同一符号を付している。

#### 【 0 0 5 7 】

まず、図 1 3，図 1 4 に示すように、第 1 の実施の形態と同様にしてガラス基板 2 1 上にブラックマトリクス 2 2、カラーフィルタ 2 3 R，2 3 G，2 3 B 及びコモン電極 2 4 を形成した後、スピコート法により、コモン電極 2 4 の上にポジ型ノボラック系レジスト 2 5 を約  $4.0 \mu\text{m}$  の厚さに塗布し、プリベークする。

#### 【 0 0 5 8 】

次に、レジスト 2 5 をプロキシミティ露光するが、ここでは、図 1 0 (a) に示すように、突起部用遮光パターン（ジグザグパターン）3 1 a 及びスペーサ用遮光パターン（矩形パターン）3 1 b が形成されているマスク 3 1 を使用する。このマスク 3 1 には、横方向に並ぶ RGB の 3 画素を 1 つの単位とし、横方向に並ぶ 3 単位分の画素領域のうち、2 単位分の画素領域に対応する部分に 6 本の同一形状の突起部用遮光パターン 3 1 a が設けられており、残りの 1 単位分の画素領域に対応する部分（図 1 0 に破線で示す部分）には突起部用遮光パターン 3 1 a が設けられていない。また、スペーサ用遮光パターン 3 1 b は、3 画素に 1 つの割合で、データバスラインとゲートバスラインとが交差する領域に対応する部分に配置されている。

#### 【 0 0 5 9 】

まず、図 1 0 (a)，図 1 3 (a)，図 1 4 (a) に示すように、マスク 3 1 を位置決めして、1 回目の露光を行う。このとき、レジスト膜厚  $4 \mu\text{m}$  に対する通常の露光量の  $1/3$  で露光する。図 1 3，図 1 4 中の網掛けは、露光された部分を示している。なお、通常の露光量とは、露光部分が現像処理後に残らない露光量をいう。

#### 【 0 0 6 0 】

次に、図 1 0 (b)，図 1 3 (b)，図 1 4 (b) に示すように、所定の方向（図 1 0 (b) 中に矢印で示す方向）にマスク 3 1 を 3 画素分ずらして、通常の露光量の  $1/3$  で 2 回目の露光を行う。この場合、スペーサ形成部はいずれもマスク 3 1 の遮光パターン 3 1 b により遮光されている。

更に、図10(c)，図13(c)，図14(c)に示すように、所定の方向（図10(c)中に矢印で示す方向）にマスク31を3画素分ずらして、通常の露光量の $1/3$ で3回の露光を行う。この場合も、スペーサ形成部はいずれもマスク31の遮光パターン31bにより遮光されている。また、突起部を形成する部分には、いずれも通常の露光量の $1/3$ が照射される。

#### 【0061】

次いで、レジスト25に現像処理を施する。このとき、突起部を形成する領域には通常の露光量の $1/3$ の光量で露光され、スペーサを形成する領域は露光されていないので、図12(a)，(b)に示すように、現像後の厚さ（高さ）に差が生じる。このようにして、ガラス基板21の上に、高さが異なるスペーサ25a及び突起部25bを同時に形成することができる。現像処理後は、第1の実施の形態と同様に、ポストベーキングを行う。その後、ガラス基板21の上側全面に配向膜を形成する。これにより、CF基板20が完成する。

#### 【0062】

本実施の形態においては、第1の実施の形態と同様の効果が得られるのに加えて、スペーサ25a及び突起部25bを形成するためのマスクが1枚ですむという利点がある。

なお、上記の例では、厚さが $4.0\mu\text{m}$ の場合に、現像後の膜厚が $1.5\mu\text{m}$ となる露光量が通常の露光量の $1/3$ となるレジストを用いた場合について説明したが、例えば通常の露光量の $1/2$ で現像後の膜厚が $1.5\mu\text{m}$ となるレジストの場合は、図15に示すように、2単位分の画素領域のうち1単位分の画素領域に対応する領域に突起部形成用の遮光パターン31aが設けられており、他方の画素領域に対応する領域には遮光パターンが設けられていないマスクを使用すればよい。そして、1回目の露光を行った後、マスクを3画素分移動させて2回目の露光を行い、その後現像処理を施す。このように、本実施の形態においては、使用するレジストの特性に応じて、使用するマスクと露光回数とを適宜設定する。

#### 【0063】

（第3の実施の形態）

以下、本発明の第 3 の実施の形態について説明する。なお、第 3 の実施の形態が第 1 の実施の形態と異なる点は、C F 基板 2 0 のスペーサ 2 5 a 及び突起部 2 5 b の形成方法が異なることにあり、その他の構成は基本的に第 1 の実施の形態と同様であるので、重複する部分の説明は省略する。

## 【 0 0 6 4 】

図 1 6 ～図 1 8 は第 3 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す模式図である。図 1 6 は露光工程における模式的断面図、図 1 7 は突起部形成用パターンの平面図、図 1 8 は露光工程における突起部形成領域の模式的断面拡大図である。なお、図 1 6、図 1 8 においては、基板 2 1 上に形成されたブラックマトリクス 2 2、カラーフィルタ 2 3 R、2 3 G、2 3 B 及びコモン電極 2 4 の図示を省略している。

## 【 0 0 6 5 】

まず、第 1 の実施の形態と同様にしてガラス基板 2 1 上にブラックマトリクス 2 2、カラーフィルタ 2 3 R、2 3 G、2 3 B 及びコモン電極 2 4 を形成した後、スピンコート法により、コモン電極 2 4 の上にポジ型ノボラック系レジスト 2 5 を約  $4.0\ \mu\text{m}$  の厚さに塗布し、プリベークする。

次に、レジスト 2 5 をプロキシミティー露光するが、ここでは、図 1 6 に示すように、スペーサ形成部と突起形成部とで光透過率（遮光量）が異なる遮光パターンを有するマスク 3 2 を使用する。すなわち、マスク 3 2 には、光をほぼ 1 0 0 % 遮光するスペーサ形成用パターンと、光を  $1/2 \sim 1/10$  程度透過する突起部形成用パターンとが設けられている。例えば、スペーサ形成用パターン及び突起部形成用パターンは、いずれも C r 膜をパターンニングして形成されており、突起部形成用パターンには、図 1 7 に示すように、解像度の限界値以下の小さな開口部 3 2 a が多数設けられている。この場合、開口部 3 2 a の密度や開口面積を調整することにより、光透過率を制御することができる。

## 【 0 0 6 6 】

このようなマスク 3 2 を使用してレジスト 2 5 を露光した後、現像処理を施すと、スペーサ形成部ではレジスト 2 5 が露光されていないため、レジストが厚く残る。一方、突起形成部では、レジスト 2 5 が通常の露光量よりも少ない露光量

で露光されているので、基板 21 上にレジストは残るものの、スペーサ形成部よりもレジスト 25 の厚さは小さくなる。

#### 【0067】

このようにして、1 回の露光及び現像処理により、高さが異なるスペーサ 25 a と突起部 25 b とを同時に形成することができる。

その後、第 1 の実施の形態と同様にポストベーキングを行った後、ガラス基板 21 の上側全面に配向膜を形成する。これにより CF 基板 20 が完成する。

本実施の形態においては、第 1 の実施の形態と同様の効果が得られるのに加えて、スペーサ 25 a 及び突起部 25 b を形成するための露光工程及び現像処理工程がいずれも 1 回ですむので、製造時間の短縮化が図れるという利点がある。

#### 【0068】

なお、上記の実施の形態では突起部形成用パターンとして開口部 32 a を有するパターンを使用するので、現像後に残ったレジスト（突起部 25 b）の表面に凹凸が生じることが考えられる。しかしながら、現像後に実施するポストベーク工程時の熱によりレジストが軟化（リフロー）して表面がなだらかになる。これにより、突起部 25 b の表面の凹凸に起因する液晶分子の配向異常が回避される。

#### 【0069】

また、上記の実施の形態では突起部形成用パターンとして微細な開口部 32 a を有するパターンを使用した。図 19 に示すように、マスク 33 の上又は下側に、UV 耐性のある透過率の低い材料からなる突起部形成用パターン 33 a を形成し、突起形成部の露光量を調整するようにしてもよい。突起部形成用パターン 33 a の材料としては、例えばカラーフィルタの形成に使用するものと同様の感光性アクリル樹脂に顔料を混ぜて、i 線（波長：365 nm）透過率を 25% にコントロールしたものを使用することができる。

#### 【0070】

この場合は、以下のようにしてマスク 33 を形成する。すなわち、Cr 膜をエッチングしてスペーサ用遮光パターン 33 b を形成したマスク 33 の表面に、顔料を含有した感光性アクリル樹脂を塗布する。そして、突起部形成用パターンが



設けられたマスクを使用して感光性アクリル樹脂を露光して突起部形成用パターンを転写する。その後、露光、現像及びポストバークを実施することにより、スペーサ形成用パターン 3 3 b 及び突起部形成用パターン 3 3 a を有するマスク 3 3 を形成する。このようにして、光をほぼ 1 0 0 % 遮光するスペーサ形成用パターン 3 3 b と、i 線透過率が 2 5 % のレジストからなる突起部形成用パターン 3 3 a とを有するマスク 3 3 を形成することができる。

#### 【 0 0 7 1 】

ここでは、突起部形成用パターン 3 3 a の光透過率を 2 5 % としたが、レジストの種類や突起部の高さ等に応じて突起形成用パターン 3 3 a の光透過率は適宜調整する。

#### （第 4 の実施の形態）

以下、本発明の第 4 の実施の形態について説明する。なお、第 4 の実施の形態が第 1 の実施の形態と異なる点は、C F 基板 2 0 のスペーサ 2 5 a 及び突起部 2 5 b の形成方法が異なることにあり、その他の構成は基本的に第 1 の実施の形態と同様であるので、重複する部分の説明は省略する。

#### 【 0 0 7 2 】

図 2 0、図 2 1 は、第 4 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図である。図 2 0 は露光工程における模式的断面図、図 2 1 は同じくその突起部形成領域の拡大図である。なお、図 2 0、図 2 1 において、ガラス基板 2 1 上に形成されたブラックマトリクス 2 2、カラーフィルタ 2 3 R、2 3 G、2 3 B 及びコモン電極 2 4 の図示を省略している。

#### 【 0 0 7 3 】

まず、第 1 の実施の形態と同様にしてガラス基板 2 1 上にブラックマトリクス 2 2、カラーフィルタ 2 3 R、2 3 G、2 3 B 及びコモン電極 2 4 を形成した後、スピコート法により、コモン電極 2 4 の上にポジ型ノボラック系レジスト 2 5 を約 4 . 0  $\mu$  m の厚さに塗布し、プリバークする。

次に、マスク 3 4 を用いてプロキシミティー露光を行う。マスク 3 4 には、幅が 1 0  $\mu$  m の突起部形成用パターン 3 4 a と、幅が 2 0 ~ 3 5  $\mu$  m のスペーサ形成用パターン 3 4 b とが設けられている。

## 【 0 0 7 4 】

本実施の形態では、回折光により回り込み量が多くなるように、プロキシミティギャップを $150\mu\text{m}$ とし、更に露光量を通常の1.5倍で露光する。これにより、線幅の細い突起部形成用パターン34b側では回折光により遮光部分も弱く露光されるため、現像後の厚さが未露光部よりも薄くなる。これに対してスペーサ形成用パターン34a側では、突起部形成用パターン34aに比べて寸法が大きいため、回折光の影響が小さい。従って、パターン34aの縁部では現像後の膜厚が未露光部分よりも薄くなるものの、中心部では未露光部分と同じ厚さとなる。従って、高さが低い突起部と高さが高いスペーサとを同時に形成することができる。

## 【 0 0 7 5 】

その後、第1の実施の形態と同様にポストベーキングを行った後、ガラス基板21の上側全面に配向膜を形成する。これにより、CF基板20が完成する。

本実施の形態においても、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができるのに加えて、スペーサ及び突起部を形成するための露光工程及び現像工程が1回だけでよく、製造時間の短縮化が図れるという利点がある。

## 【 0 0 7 6 】

なお、突起部の高さ及び幅は、レジスト25の膜厚、突起部形成用パターン34の幅、プロキシミティ露光機から出射される光の平行度、プロキシミティギャップ（マスクとレジスト膜との間隔）及び露光量により変化する。従って、所望の突起部の高さ及び幅に応じて、これらの条件を適宜設定することが必要である。

## 【 0 0 7 7 】

## （第5の実施の形態）

以下、本発明の第5の実施の形態について説明する。なお、第5の実施の形態が第1の実施の形態と異なる点は、CF基板のスペーサ25a及び突起部25bの形成方法が異なることに有り、その他の構成は基本的に第1の実施の形態と同様であるので、重複する部分の説明は省略する。

## 【 0 0 7 8 】

図 2 2 は第 5 の実施の形態の液晶表示装置の断面図である。

本実施の形態においては、スペーサ形成部に、3 色のカラーフィルタ 2 3 B, 2 3 R, 2 3 G を 3 層に積層し、その上（図 2 2 では下側）にセルギャップ調整用のスペーサ 4 1 a を形成している。また、本実施の形態においては、青色カラーフィルタ 2 3 B と赤色カラーフィルタ 2 3 R とを積層してブラックマトリクスとしている。また、

このように、カラーフィルタ 2 3 B, 2 3 R を積層してブラックマトリクスを形成することにより、C r 膜の成膜工程及びエッチング工程が不要となり、製造時間を短縮することができる。また、スペーサ形成部には、カラーフィルタ 2 3 B, 2 3 R, 2 3 G を 3 層に積層しているので、スペーサ 4 1 の高さを低くしても、所定のセルギャップを維持することができる。

#### 【 0 0 7 9 】

なお、カラーフィルタ 2 3 R, 2 3 G, 2 3 B の積層体と、その上を通るドメイン規制用突起部とによりスペーサを構成することも考えられる。しかし、スペーサ形成部の面積は小さく、またカラーフィルタとして一般的に使用されているノボラック樹脂やアクリル樹脂では、平坦性がよいため、例えばカラーフィルタ 2 3 R, 2 3 G, 2 3 B の厚さをそれぞれ  $1.5 \mu\text{m}$  とし、突起部の高さを  $1.5 \mu\text{m}$  としても、セルギャップは  $4.0 \mu\text{m}$  よりも小さくなってしまう。

#### 【 0 0 8 0 】

通常、スペーサ形成部にカラーフィルタを積層する際には、樹脂が乾燥するまでの間に、上に重なった 2 層目、3 層目の樹脂部分ではレベリングが発生し、2 層目のカラーフィルタの厚さは 1 層目の約 7 0 %、3 層目のカラーフィルタの厚さは 1 層目の約 5 0 % と薄くなってしまう。

仮に、スペーサ 4 1 a がないとすると、セルギャップはカラーフィルタの積層厚さにより決まるので、カラーフィルタの積層部分における各カラーフィルタの厚さを厚くする必要がある。2 層目及び 3 層目のカラーフィルタの厚さを厚くするためには、例えば真空乾燥により乾燥を早めてレベリングを少なくする方法や、樹脂の塗布膜厚を厚くする方法が考えられる。しかし、これらの方法では、塗布むらや乾燥むらが発生し、製造歩留まりが低下してしまう。

## 【 0 0 8 1 】

図 2 3 は横軸に画素領域におけるカラーフィルタの厚さをとり、縦軸にスペーサ（カラーフィルタの重なり）の高さをとって、両者の関係を示した図である。但し、▲印は各カラーフィルタの厚さと突起部の高さが同じ場合、□は突起部の高さが  $2.0\ \mu\text{m}$  の場合を示している。この図からわかるように、セルギャップを  $4\ \mu\text{m}$  とするためには、各カラーフィルタの画素領域における厚さ及び突起部の高さをいずれも  $3\ \mu\text{m}$  とする必要がある。ただし、突起部の高さがセルギャップの  $30\%$  以下又は  $50\%$  以上となると、透過率の低下やコントラストの低下を招く。このため、突起部の高さは、 $1.2\sim 2.0\ \mu\text{m}$  とすることが好ましく、そうするとカラーフィルタの厚さを更に厚くする必要がある。

## 【 0 0 8 2 】

一般に、カラーフィルタの材料となる顔料分散型レジストは、厚さが  $3\ \mu\text{m}$  を超えると微細なパターニングが困難になる。また、塗布後の乾燥速度が遅くなり、生産性が低下するという問題も発生する。従って、カラーフィルタの厚さを  $3\ \mu\text{m}$  以上とすることは現実的ではない。

カラーフィルタの材料として、ポリイミドのように平坦性が悪い材料を使用することも考えられる。しかし、ポリイミドは非感光性であるので、パターニングにはエッチング工程が必要になり、工程数の増加によって製造コストが上昇するという難点がある。また、仮にカラーフィルタを厚く形成したとしても、スペーサ部のコモン電極と TFT 基板側の画素電極とが極めて接近することとなり、短絡不良が発生しやすくなる。

## 【 0 0 8 3 】

本実施の形態では、前述の如く、カラーフィルタ 2 3 R, 2 3 G, 2 3 B の積層部分の上にスペーサ 4 1 a を形成し、このスペーサ 4 1 a でセルギャップを調整できるので、カラーフィルタ 2 3 R, 2 3 G, 2 3 B の厚さを  $3\ \mu\text{m}$  以下としても、十分なセルギャップを確保することができる。

以下、図 2 4, 図 2 5 を参照して、本実施の形態の CF 基板 4 0 の製造方法について説明する。

## 【 0 0 8 4 】

まず、図 2 4 (a) に示すように、ガラス基板 2 1 の上に感光性顔料分散タイプの青色レジストを塗布し、このレジストを露光及び現像処理して、青色画素領域、ブラックマトリクス形成領域、スペーサ形成領域 (T F T 基板側のゲートバスラインとデータバスラインとが交差する部分に対応する領域) 及び各マーク (位置合わせマーク等) の形成領域の上に、厚さが約  $1.5 \mu\text{m}$  の青色カラーフィルタ 2 3 B (青色レジスト) を形成する。

## 【 0 0 8 5 】

次に、図 2 4 (b) に示すように、ガラス基板 2 1 の上に感光性顔料分散タイプの赤色レジストを塗布し、このレジストを露光及び現像処理して、赤色画素領域、ブラックマトリクス形成領域及びスペーサ形成領域の上に、厚さが約  $1.5 \mu\text{m}$  の赤色カラーフィルタ 2 3 R (赤色レジスト) を形成する。

次に、図 2 4 (c) に示すように、ガラス基板 2 1 の上に感光性顔料分散タイプの緑色レジストを塗布し、このレジストを露光及び現像処理して、緑色画素領域及びスペーサ形成領域の上に、厚さが約  $1.5 \mu\text{m}$  の緑色カラーフィルタ 2 3 G (緑色レジスト) を形成する。

## 【 0 0 8 6 】

次に、図 2 4 (d) に示すように、ガラス基板 2 1 の上側全面に、I T O を約  $0.15 \mu\text{m}$  の厚さに形成して、コモン電極 2 6 とする。

本実施の形態では、ブラックマトリクス形成領域では 2 色のカラーフィルタを重ね、スペーサ形成領域では 3 色のカラーフィルタを重ねている。この場合、画素部 (カラーフィルタが一層の部分) ではカラーフィルタの厚さは  $1.5 \mu\text{m}$  であるが、2 層目、3 層目のカラーフィルタの厚さはこれよりも薄くなる。ここまでの工程で、スペーサ形成部での 3 層のカラーフィルタの積層体の高さ (画素部のカラーフィルタ表面からの高さ) は、約  $1.8 \mu\text{m}$  であり、ブラックマトリクス形成領域での 2 層のカラーフィルタの積層体の高さ (画素部のカラーフィルタ表面からの高さ) は、約  $1.1 \mu\text{m}$  である。

## 【 0 0 8 7 】

次に、ガラス基板 2 1 の上側全面に、ポジ型ノボラック系レジストを  $2.5 \mu\text{m}$  の膜厚でスピンコート法等で塗布する。その後、スペーサ形成用パターンの幅

が  $30\ \mu\text{m}$ 、突起部形成用パターンの幅が  $6\ \mu\text{m}$  のレチクルを用いてレジストを所定の露光量でステッパー露光した後、現像を行う。これにより、図 25 に示すように、セルギャップ調整用スペーサ 41a 及びドメイン規制用突起部 41b が形成される。現像後のレジスト膜厚はスペーサ形成領域で約  $2.0\ \mu\text{m}$ 、突起部形成領域で約  $2.3\ \mu\text{m}$  となる。

## 【0088】

次に、オーブンを用いて  $220^\circ\text{C}$  で 1 時間程度ポストバークする。スペーサ形成部では、バーク後の膜厚が約  $2.0\ \mu\text{m}$ 、線幅が約  $30\ \mu\text{m}$  となる。一方、突起部形成領域では、ポストバーク時の熱によりレジストがリフローして、膜厚が約  $1.5\ \mu\text{m}$ 、線幅が約  $10\ \mu\text{m}$  となり、所望のプロファイルが得られる。

本実施の形態においては、第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができるのに加えて、赤色カラーフィルタと青色カラーフィルタとを積層してブラックマトリクスとするので、第 1 の実施の形態に比べて Cr 膜の成膜工程及びエッチング工程が不要になり、製造コストを低減できるという効果が得られる。

## 【0089】

なお、上記の例ではステッパ露光によりスペーサ 41a 及び突起部 41b を形成しているが、所望の解像度を得ることが可能であれば、プロキシミティー露光やミラープロジェクション法等で露光することも可能である。

また、上記の例では、スペーサ形成部に 3 色のカラーフィルタを重ねて形成したが、これに限定するものではなく、スペーサ形成部のカラーフィルタの層数は、1 層又は 2 層でもよい。

## 【0090】

## (第 6 の実施の形態)

以下、本発明の第 6 の実施の形態について説明する。なお、第 6 の実施の形態が第 1 の実施の形態と異なる点は、CF 基板 20 のスペーサ及び突起部の形成方法が異なることにあり、その他の構成は基本的に第 1 の実施の形態と同様であるので、重複する部分の説明は省略する。

## 【0091】

図 26 は第 6 の実施の形態の液晶表示装置の CF 基板の製造方法を示す図であ

る。

まず、図 2 6 (a) に示すように、ガラス基板 2 1 の上に C r 膜を形成し、該 C r 膜をパターニングして、ブラックマトリクス 2 2 を形成する。その後、ガラス基板 2 1 の上に、カラーフィルタ 2 3 B, 2 3 R, 2 3 G を順次形成する。このとき、スペーサ形成部のブラックマトリクス 2 2 の上には、カラーフィルタ 2 3 B, 2 3 R, 2 3 G を重ね合わせて形成する。

#### 【 0 0 9 2 】

その後、基板 2 1 の上側全面に、I T O からなるコモン電極 2 4 を形成する。そして、このコモン電極 2 4 の上に、スピコート法等により、ポジ型ノボラック系レジスト 4 2 を塗布する。

次に、スペーサ形成用パターンの幅が  $30\ \mu\text{m}$ 、突起部形成用パターンの幅が  $6\ \mu\text{m}$  のレチクルを使用してレジスト 4 2 を露光した後、現像処理を行って、図 2 6 (b) に示すように、スペーサ 4 2 a 及び突起部 4 2 b を形成する。

#### 【 0 0 9 3 】

次に、 $220^{\circ}\text{C}$  の温度で 1 時間程度ポストバークする。突起部 4 2 b の幅が狭いので、ポストバーク時の熱によってレジストがリフローして、図 2 6 (c) に示すように、突起部 4 2 b の高さがスペーサ 4 2 a 高さよりも低くなる。このようにして、高さが異なるスペーサ 4 2 a と突起部 4 2 b とを同時に形成することができる。本実施の形態においても、第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

#### 【 0 0 9 4 】

なお、上記の実施の形態では、ブラックマトリクス 2 2 が C r 膜からなる場合について説明したが、ブラックマトリクス 2 2 を黒色樹脂により形成することもできる。また、上記の例では、スペーサ形成部にカラーフィルタ 2 3 B, 2 3 R, 2 3 G を 3 層に重ねたが、これに限定するものではなく、スペーサ領域のカラーフィルタの層数は、1 層又は 2 層でもよい。但し、スペーサ領域での段差が大きくなると、コモン電極と T F T 基板側の画素電極との距離が小さくなり、短絡不良が発生しやすくなるので、スペーサ領域の段差があまり大きくならないようにすることが好ましい。

## 【 0 0 9 5 】

（第 7 の実施の形態）

以下、本発明の第 7 の実施の形態について説明する。

従来、一般的に、ブラックマトリクスは、C r 等の金属膜や黒色樹脂により形成されていた。ブラックマトリクスに必要な O D 値は、ノーマリーホワイトの液晶表示装置では 2. 5 以上、ノーマリーブラックの液晶表示装置では 2. 0 以上といわれている。但し、液晶の種類、セルギャップ及び T F T 基板の構造等により、ブラックマトリクスに必要な O D 値は変化する。

## 【 0 0 9 6 】

一方、カラーフィルタの形成方法としては、染色法、顔料分散法、電着法及び印刷法等がある。しかし、染色法では工程数が多いという欠点があり、電着法では電着液の管理が煩雑であるとともに、成膜状態もばらつきやすいという欠点がある。印刷法では、膜厚分布やパターン精度が十分ではなく、実用段階に至っていない。従って、現在は、カラーフィルタの形成方法としては顔料分散法が主流である。

## 【 0 0 9 7 】

顔料分散法では、顔料を分散したフォトレジストを使用し、フォトリソグラフィ技術によりレジストをパターンニングする。従って、従来、C F 基板の形成には、ブラックマトリクスの形成と R G B の各カラーフィルタの形成とで合計 4 回のフォトリソグラフィ工程を必要とし、製造歩留まりの低下や、設備コスト及び材料コストの上昇の原因となっていた。

## 【 0 0 9 8 】

そこで、R G B の 3 色のカラーフィルタのうち少なくとも 2 色のカラーフィルタを重ね合わせてブラックマトリクスとすることにより、C r 膜や黒色樹脂の成膜工程及びパターンニング工程を削減することが提案されている。しかし、この場合は、フォトレジストをパターンニングする際に、露光機のステージに設けられた溝からの反射光に起因してカラーフィルタのエッジの位置が微妙に変化し、表示むらの原因となる。

## 【 0 0 9 9 】



図27は、カラーフィルタとなるフォトレジストの露光工程を示す模式図である。この図27に示すように、ガラス基板101の上に顔料を分散したフォトレジスト102を塗布し、基板101を露光機のステージ106の上に載置して、所定のパターンが設けられたマスクを介して紫外線（UV）を照射する。

露光機のステージ106には、基板101を吸着固定するための孔やその他の溝（以下、単に「溝」という）106aが設けられている。光源から出力されて基板101を透過した光は、ステージ106の平坦部では垂直方向に反射されるのに対し、溝106aでは斜め方向に反射される。これにより、溝106aの近傍の露光量が変化し、現像後に溝106aの形状がレジストパターンに転写されてしまう。以下、レジストパターンに転写された溝106aの形状をステージ跡という

通常、位置決め用のマーク等を形成する都合上やブラックマトリクスの遮光能力の関係で、青色カラーフィルタ又は赤色カラーフィルタを最初に形成する。一般的にカラーフィルタのOD値は、単色の場合は青色（B）フィルタが最も大きく、緑色（G）フィルタのOD値は赤色（R）フィルタのOD値と同じか、それよりも小さい値となる（ $B > R \geq G$ ）。また、カラーフィルタを積層した場合は、赤色、緑色及び青色の3色のカラーフィルタを積層した場合のOD値が最も大きく、次に、赤色及び青色の2色のカラーフィルタを積層した場合のOD値が大きく、次に、赤色及び緑色の2色のカラーフィルタを積層した場合のOD値が大きく、青色及び緑色の2色のカラーフィルタを積層した場合のOD値は、赤色及び緑色の2色のカラーフィルタを積層した場合のOD値と同じかそれよりも小さい（ $RGB > RB > RG \geq BG$ ）。下記表1に、一般的な透過型カラーフィルタを2層以上に積層したときのOD値及び透過率を示す。

【0100】

【表 1】

積層	OD 値	透過率
R + G	1. 3	5. 0 %
G + B	1. 1	7. 9 %
B + R	2. 1	0. 8 %
R + G + B	2. 5	0. 3 %

## 【0 1 0 1】

図 2 8 は、カラーフィルタを積層して構成されたブラックマトリクスの一一般的な例を示す図である。このように、ガラス基板 1 0 1 上に青色カラーフィルタ 1 0 2 B を形成し、次に赤色カラーフィルタ 1 0 2 R を形成し、その後緑色カラーフィルタ 1 0 2 G を形成している。この場合、青色画素部のエッジは赤色カラーフィルタ 1 0 2 R のエッジで決まり、赤色画素部のエッジは青色カラーフィルタ 1 0 2 B のエッジで決まり、緑色画素部のエッジも青色カラーフィルタ 1 0 2 B のエッジで決まる。

## 【0 1 0 2】

青色カラーフィルタ 1 0 2 B を基板 1 0 1 上に最初に形成する場合は、前述したように露光機のステージ 1 0 6 の溝 1 0 6 a の影響を青色カラーフィルタ 1 0 2 B が受ける。図 2 8 に示す液晶表示装置では、青色カラーフィルタ 1 0 2 B のエッジにより赤色画素部及び緑色画素部のエッジが決まるので、赤色画素部及び緑色画素部にステージ跡が発生する。この場合、青色カラーフィルタ 1 0 2 B と赤色カラーフィルタ 1 0 2 R との積層体の OD 値のほうが青色カラーフィルタ 1 0 2 B と緑色カラーフィルタ 1 0 2 G との積層体の OD 値よりも大きいので、赤色画素部にステージ跡がより強く発生する。青色画素部では、2 層目の赤色カラーフィルタ 1 0 2 R により画素のエッジを決めているので、ステージ跡の影響は殆ど受けない。なお、ステージ跡は、個々の画素ではわかりにくいですが、液晶パネ

ル全体で見たときにははっきり見える。

【0103】

従来から、ステージ106の表面処理を工夫したり、溝位置を工夫することによりステージ跡が残らないようにしているが、基板吸着用の孔等を形成する必要上、ステージ106に溝106aを完全になくすことは不可能である。

そこで、本実施の形態においては、露光機のステージ跡が発生しにくい液晶表示装置の製造方法を提供する。

【0104】

図29は第7の実施の形態の液晶表示装置のCF基板の製造方法を示す断面図、図30は同じくそのCF基板の製造方法を示す平面図である。但し、図30において、破線は赤色画素部となる領域（以下、単に「赤色画素部」という）、緑色画素部となる領域（以下、単に「緑色画素部」という）及び青色画素部となる領域（以下、単に「青色画素部」という）を示している。

【0105】

まず、図29(a)、図30(a)に示すように、ガラス基板101上に青色顔料を含有したフォトレジストを約 $1.5\mu\text{m}$ の厚さに塗布し、露光及び現像処理を施して、青色画素部(B)とその周囲、赤色画素部(R)の周囲、緑色画素部(G)の周囲、及びマーク形成部（図示せず）の上に青色カラーフィルタ102Bを形成する。但し、図30(a)に示すように、緑色画素部(G)の縁部から一定の範囲には青色カラーフィルタ102Bを形成しない。

【0106】

次に、図29(b)、図30(b)に示すように、ガラス基板101上に赤色顔料を含有したフォトレジストを約 $1.5\mu\text{m}$ の厚さに塗布し、露光及び現像処理を施して、赤色画素部(R)とその周囲、青色画素部(B)の周囲及び緑色画素部(G)の上に赤色カラーフィルタ102Rを形成する。この場合、図29(b)に示すように、緑色画素部(G)の周囲では、赤色カラーフィルタ102Rが青色カラーフィルタ102Bよりも内側に位置するようにする。

【0107】

次に、図29(c)、図30(c)に示すように、ガラス基板101上に緑色

顔料を含有したフォトレジストを約 $1.5\mu\text{m}$ の厚さに塗布し、露光及び現像処理を施して、緑色画素部（G）とその周囲の上に緑色カラーフィルタ102Gを形成する。これにより、図29（c）に示すように緑色画素部（G）の周囲ではカラーフィルタ102B、102R、120Gが3層に積層され、青色画素部（B）及び赤色画素部（R）の周囲ではカラーフィルタ102B、102Rが2層に積層される。

## 【0108】

次いで、図29（d）に示すように基板101の上側全面にITOからなる共通電極103を約 $0.15\mu\text{m}$ の厚さに形成する。また、必要に応じて、第1の実施の形態のようにCF基板上に突起部及びスペーサを形成した後、基板101の上側全面に配向膜（図示せず）を形成する。これにより、CF基板が完成する。

## 【0109】

このようにして形成したCF基板と、TFT基板とを接合し、両者の間に液晶を封入する。これにより、液晶表示装置が完成する。

本実施の形態では、図31に示すように、赤色画素部（R）のエッジが1層目の青色カラーフィルタ102Bのエッジで決まるものの、青色画素部（B）のエッジ及び緑色画素部（G）のエッジがいずれも2層目の赤色カラーフィルタ102Rのエッジにより決まる。青色画素部（B）のエッジは、露光機のステージに溝があったとしても、光が1層目の青色カラーフィルタ102Bを通過する際に減衰されてしまうため、赤色カラーフィルタ102Rのパターニング時に溝からの反射光の影響を殆ど受けない。また、緑画素部（G）のエッジは、赤色カラーフィルタ102Rのパターニング時に露光機のステージ溝の影響を受けるものの、赤色フィルタ102Rと緑色フィルタ102Gとの積層体のOD値が小さく、赤色画素部（R）のエッジを決めている1層目の青色カラーフィルタ102Bとは色が異なるため、ステージ跡は目立ちにくい。

## 【0110】

本実施の形態によれば、カラーフィルタを積層してブラックマトリクスを形成するので、Cr膜や黒色樹脂によりブラックマトリクスを形成する場合に比べて

、製造時間の短縮及び製造コストの低減が実現される。また、本実施の形態によれば、画素のエッジを決めるカラーフィルタのパターニング時に、露光機のステージからの反射光の影響を殆ど受けないため、露光機のステージに溝があってもステージ跡が低減した、良好な表示品質の液晶表示装置を製造することができる。

#### 【0 1 1 1】

なお、上記の実施の形態では青色カラーフィルタ 1 0 2 B、赤色カラーフィルタ 1 0 2 R、緑色カラーフィルタ 1 0 2 G の順番でカラーフィルタを形成したが、上記のように 3 色の画素部のうち 2 色以上の画素部のエッジを 2 層目のカラーフィルタのエッジで決めるようにすれば、カラーフィルタの形成順序は上記の順番でなくともよい。

#### 【0 1 1 2】

また、本実施の形態では、請求項 8 に記載の発明を垂直配向型液晶表示装置に適用した場合について説明したが、これにより本発明の適用範囲が垂直配向型液晶表示装置に限定されるものではなく、本発明は 2 色以上のカラーフィルタを積層してブラックマトリクスを形成した構造を有するその他の液晶表示装置にも適用することができる。

#### 【0 1 1 3】

更に、本実施の形態では基板 1 0 1 としてガラス板を用いた場合について説明したが、アクリル等のようにフォトレジストの感光波長である紫外線（UV）の吸収率が高い有機材料の板を基板 1 0 1 として用いると、基板 1 0 1 を通過する光が基板 1 0 1 で減衰されるため、溝の影響をより一層低減することができる。また、図 3 2 に示すように、ガラス基板 1 0 1 の上にアクリル等のように基板 1 0 1 に比べて紫外線を吸収しやすい材料からなる UV 吸収膜 1 0 1 a を形成しても、同様の効果が得られる。

#### 【0 1 1 4】

（第 8 の実施の形態）

図 3 3 は本発明の第 8 の実施の形態の液晶表示装置の CF 基板の製造方法を示す断面図、図 3 4 は同じくその CF 基板の製造方法を示す平面図である。但し、

図 3 4 において、破線は赤色画素部、緑色画素部及び青色画素部を示している。

まず、図 3 3 (a), 図 3 4 (a) に示すように、ガラス基板 1 0 1 上に緑色顔料を含有したフォトレジストを約  $1.5 \mu\text{m}$  の厚さに塗布し、露光及び現像処理を施して、緑色画素部 (G) とその周囲、赤色画素部 (R) の周囲、及び青色画素部 (B) の周囲の上に緑色カラーフィルタ 1 0 2 G を形成する。但し、図 3 4 (a) に示すように、赤色画素部 (R) の縁部から一定の範囲には緑色カラーフィルタ 1 0 2 G を形成しない。

#### 【0 1 1 5】

次に、図 3 3 (b), 図 3 4 (b) に示すようにガラス基板 1 0 1 の上に赤色顔料を含有したフォトレジストを約  $1.5 \mu\text{m}$  の厚さに塗布し、露光及び現像処理を施して、赤色画素部 (R) とその周囲、青色画素部 (B) の周囲及び緑色画素部 (G) の上に赤色カラーフィルタ 1 0 2 R を形成する。この場合に、図 3 4 (b) に示すように、青色画素部 (B) の縁部から一定の範囲には赤色カラーフィルタ 1 0 2 R を形成しない。

#### 【0 1 1 6】

次に、図 3 3 (c), 図 3 4 (c) に示すようにガラス基板 1 0 1 の上に青色顔料を含有したフォトレジストを約  $1.5 \mu\text{m}$  の厚さに塗布し、露光及び現像処理を施して、青色画素部 (B) とその周囲、緑色画素部 (G) の周囲及び赤色画素部 (R) の上に青色カラーフィルタ 1 0 2 B を形成する。この場合に、図 3 4 (c) に示すように、緑色画素部 (G) の縁部から一定の範囲には青色カラーフィルタ 1 0 2 B を形成しない。

#### 【0 1 1 7】

次いで、第 7 の実施の形態と同様にしてガラス基板 1 0 1 の上側全面に I T O からなるコモン電極を形成する。その後、必要に応じてスペーサ及び突起部を形成した後、ガラス基板 1 0 1 の上側全面に配向膜を形成する。これにより、C F 基板が完成する。そして、C F 基板と、別個に形成した T F T 基板とを接続し、両者の間に液晶を封入する。これにより、液晶表示装置が完成する。

#### 【0 1 1 8】

本実施の形態では、図 3 5 に示すように、緑色画素部 (G) のエッジが 2 層目

の赤色カラーフィルタ 1 0 2 R のエッジで決まり、赤色画素部 (R) のエッジが 2 層目の青色カラーフィルタ 1 0 2 B のエッジで決まり、青色画素部 (B) のエッジが 1 層目の緑色カラーフィルタ 1 0 2 G のエッジで決まる。このように、緑色画素部 (G) 及び赤色画素部 (R) では 2 層目のカラーフィルタのエッジにより画素部のエッジが決まるので、露光機のステージからの反射光の影響が少なく、ステージの溝からの反射光に起因するステージ跡が回避される。また、青色画素部では 1 層目の緑色カラーフィルタ 1 0 2 G により画素部のエッジが決まるが、第 7 の実施の形態で述べたように、緑色フィルタ 1 0 2 G と青色フィルタ 1 0 2 B との積層体の OD 値は小さいので、ステージ跡が目立ちにくい。

## 【 0 1 1 9 】

なお、緑色カラーフィルタ及び赤色カラーフィルタの材料となるレジスト中に UV を吸収する材料 (例えば、HALS (ヒンダードアミンライトスタビライザー等)) を添加することにより、ステージからの反射光の影響をより一層低減することができる。また、第 7 の実施の形態で述べたように、基板 1 0 1 としてアクリル樹脂の板を使用してもよく、ガラス基板の上にアクリル等の樹脂を塗布したものを用いてもよい。

## 【 0 1 2 0 】

また、上記の実施の形態では緑色カラーフィルタ、赤色カラーフィルタ及び青色カラーフィルタの順にカラーフィルタを形成したが、赤色カラーフィルタと青色カラーフィルタの形成順を入れ替えてもよい。

更に、ノーマリーブラック型液晶表示装置のようにブラックマトリクスに要求される OD 値が比較的低くてもよい液晶表示装置では、画素部のエッジを図 3 5 の (i) で示す位置とし、ノーマリーホワイト型液晶表示装置のようにブラックマトリクスに要求される OD 値が比較的高い液晶表示装置では、画素部のエッジを図 3 5 の (ii) で示す位置とすることで、種々の液晶パネルに対応することができる。

## 【 0 1 2 1 】

更にまた、図 3 6 に示すように、緑色画素部のエッジ部まで青色カラーフィルタ 1 0 2 B を延び出すようにしてもよい。

## (第 9 の実施の形態)

以下、本発明の第 9 の実施の形態について説明する。液晶表示装置内に封入された液晶は、温度変化による熱膨張又は熱収縮により体積が変化する。例えば、液晶表示装置を常温から  $-20^{\circ}\text{C}$  の環境下におき、更に  $60^{\circ}\text{C}$  の温度に変化させる環境試験を実施すると、液晶の体積は、 $\pm 0.1\mu\text{m}$  のセルギャップに相当する分だけ変化する。

## 【0122】

スペーサの弾性力が液晶の熱収縮に追従できない場合は液晶の圧力が低下し、極端な場合は液晶表示装置（液晶パネル）内に気泡が発生する。また、一般的に液晶を注入した直後はセル内の圧力が大気圧よりも低いためスペーサが圧縮されるが、液晶が熱膨張したときにスペーサの弾性力がセルギャップの変化に追従できないと、スペーサと基板との間に隙間が生じて、セルギャップにばらつきが発生する。従って、スペーサには圧力に応じて変形する弾性力が要求される。

## 【0123】

一方、液晶表示装置の製造工程において、オートクレーブにより液晶パネルの全体に約 5 気圧の圧力が印加される。また、液晶表示装置の使用時にユーザが指等で部分的に高い圧力を印加する（いわゆる面押し）ことが考えられる。このように、液晶表示装置に高い圧力が印加されると、スペーサが塑性変形して、元の形状に戻らなくなってしまう。更に、液晶表示装置に高い圧力が加えられると、TFT 基板側の画素電極と CF 基板側のコモン電極とが短絡することも考えられる。従って、スペーサの過剰な変形を防止することが必要である。

## 【0124】

そこで、本実施の形態では、温度変化による液晶の圧力変化及びセルギャップのばらつきを回避し、かつ、高い圧力を加えられてもスペーサの過剰な変形を防止できて、良好な表示品質を得ることができる液晶表示装置を提供する。

図 37 は第 9 の実施の液晶表示装置の CF 基板の平面図、図 38 は同じくそのブラックマトリクス 222 に沿った位置における断面図である。なお、図 37 において、□印は高さが高いスペーサ 225a、○印は高さの低いスペーサ 225b の位置を示している。



## 【 0 1 2 5 】

本実施の形態の液晶表示装置は、T F T基板 2 1 0 と、C F基板 2 2 0 と、これらのT F T基板 2 1 0 及びC F基板 2 2 0 の間に封入された液晶 2 1 9 とにより構成されている。

T F T基板 2 1 0 は、以下のように構成されている。すなわち、ガラス基板 2 1 1 の上には、第 1 の実施の形態と同様に、ゲートバスライン（図示せず）、データバスライン（図示せず）及びT F T（図示せず）が形成されており、それらの上には絶縁膜（図示せず）を介して、I T Oからなる画素電極 2 1 6 が形成されている。また、ガラス基板 2 1 1 の上側には配向膜 2 1 7 が形成されており、この配向膜 2 1 7 により画素電極 2 1 6 の表面が覆われている。

## 【 0 1 2 6 】

一方、C F基板 2 2 0 は、以下のように構成されている。すなわち、ガラス基板 2 2 1 の下面側には、ブラックマトリクス 2 2 2 が形成されており、ブラックマトリクス 2 2 2 の開口部、すなわち各画素領域に対応してR G Bのカラーフィルタ 2 2 3 R, 2 2 3 G, 2 2 3 Bが形成されている。また、カラーフィルタ 2 2 3 R, 2 2 3 G, 2 2 3 Bの下には、I T Oからなるコモン電極 2 2 4 が形成されている。コモン電極 2 2 4 の下側には、樹脂からなるスペーサ 2 2 5 a, 2 2 5 b が形成されている。これらのスペーサ 2 2 5 a, 2 2 5 b は、T F T基板 2 1 0 側のゲートバスラインとデータバスラインとが交差する位置に対応する位置に配置されている。また、この例では、図 3 7, 図 3 8 に示すように、高さが高いスペーサ 2 2 5 a と、高さが低いスペーサ 2 2 5 b とが交互に配置されている。更に、基板 2 2 1 の下面側には配向膜 2 2 6 が形成されており、この配向膜 2 2 6 によりコモン電極 2 2 4 及びスペーサ 2 2 5 a, 2 2 5 b の表面が覆われている。

## 【 0 1 2 7 】

本実施の液晶表示装置では、図 3 8 に示すように、常温の状態で、スペーサ 2 2 5 a の先端部分がT F T基板 2 1 0 に接触し、スペーサ 2 2 5 b の先端部分がT F T基板 2 1 0 から離れている。この例では、スペーサ 2 2 5 a の高さ（コモン電極 2 2 4 の表面からの高さ）が 4  $\mu$  m、スペーサ 2 2 5 b の高さ（コモン電

極 2 2 4 の表面からの高さ) が  $3.8 \mu\text{m}$  である。

【0 1 2 8】

以下、温度変化及び圧力に印加によるスペーサの変形について説明する。

セル内の圧力が 1 気圧よりも低い場合は、スペーサ 2 2 5 a に圧縮荷重がかかる。圧縮荷重が小さい場合は、スペーサ 2 2 5 a にのみ荷重がかかり、スペーサ 2 2 5 b には荷重がかからない。従って、スペーサ 2 2 5 a のみが弾性的に変形し、圧力の変化に対応する。この場合、スペーサ 2 2 5 a の分布密度、断面積及び材質を適宜選択することにより、圧力に対するスペーサ 2 2 5 a の変形量を調整することができる。

【0 1 2 9】

液晶表示装置に部分的に大きな圧力が加えられた場合や、オートクレーブで液晶表示装置の全体に大きな圧力が変えられた場合は、セルギャップが小さくなり、スペーサ 2 2 5 a に加えてスペーサ 2 2 5 b も T F T 基板 2 1 0 に接触する。これにより、圧力がスペーサ 2 2 5 a 及び 2 2 5 b に分散されるので、スペーサ 2 2 5 a, 2 2 5 b の過度の変形が防止される。

【0 1 3 0】

図 3 9 は、横軸に圧縮荷重 (気圧) をとり、縦軸にセルギャップをとって、圧縮荷重に対するセルギャップの変化を示す図である。但し、図 3 9 には、高さが均一 ( $4 \mu\text{m}$ ) のスペーサが 3 画素に 1 つの割合で設けられている場合 (密度 =  $1/3$  と表記) の例、高さが均一 ( $4 \mu\text{m}$ ) のスペーサが 2 4 画素に 1 つの割合で設けられている場合 (密度 =  $1/24$  と表記) の例、及び高さが  $4 \mu\text{m}$  のスペーサが 2 4 画素に 1 つの割合が設けられており、かつ高さが  $3.8 \mu\text{m}$  のスペーサが 3 画素に 1 つの割合で設けられている場合の例 (密度 =  $1/24 + 1/3$  と表記) を示している。この図 3 9 からわかるように、密度 =  $1/24 + 1/3$  の場合は、圧縮荷重が 1 気圧以下の範囲では密度 =  $1/24$  の場合と同様に、セルギャップの変化に柔軟に追従することができる。また、圧縮荷重が大きい範囲 (1 気圧以上) では、密度 =  $1/3$  の場合と同様に、圧力変化に対するセルギャップの変化の割合が小さくなる。

【0 1 3 1】

以下、本実施の形態の液晶表示装置の製造方法について説明する。

図 4 0, 図 4 1 は、本実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す断面図である。

まず、図 4 0 (a) に示すように、ガラス基板 2 2 1 の上側全面に C r 膜を 0 . 1 5  $\mu$  m の厚さに形成し、フォトリソグラフィ法により該 C r 膜をパターンニングして、ブラックマトリクス 2 2 2 を形成する。

#### 【0 1 3 2】

次に、図 4 0 (b) に示すように、ガラス基板 2 2 1 の上側全面に青色顔料を分散したアクリル系レジスト（ネガ型フォトレジスト）をスピンコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、青色画素部及びその周囲のブラックマトリクス 2 2 2 の上に青色（B）カラーフィルタ 2 2 3 B を形成する。

次に、図 4 0 (c) に示すように、ガラス基板 2 2 1 の上側全面に赤色顔料を分散したアクリル系レジスト（ネガ型フォトレジスト）をスピンコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、赤色画素部及びその周囲のブラックマトリクス 2 2 2 の上に赤色（R）カラーフィルタ 2 2 3 R を形成する。

#### 【0 1 3 3】

次に、図 4 0 (d) に示すように、ガラス基板 2 2 1 の上側全面に緑色顔料を分散したアクリル系レジスト（ネガ型フォトレジスト）をスピンコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、緑色画素部及びその周囲のブラックマトリクス 2 2 2 の上に緑色（G）カラーフィルタ 2 2 3 G を形成する。

次に、図 4 1 (a) に示すように、スパッタ法により、ガラス基板 2 2 1 の上側全面に I T O からなるコモン電極 2 2 4 を約 0 . 1 5  $\mu$  m の厚さに形成し、このコモン電極 2 2 4 によりカラーフィルタ 2 2 3 R, 2 2 3 G, 2 2 3 B の表面を覆う。

#### 【0 1 3 4】

次に、図 4 1 (b) に示すように、スピンコート法によりガラス基板 2 2 1 の上にアクリル系ネガ型フォトレジストを塗布し、露光及び現像工程を経て、高さが約 4  $\mu$  m のスペーサ 2 2 5 a を形成する。図 4 1 (b) では、スペーサ 2 2 5 a が 3 画素に 1 つの割合で形成されている場合を図示しているが、前述のように

、24画素に1つの割合で形成してもよい。但し、スペーサ225aは、TFT基板側のゲートバスラインとデータバスラインとが交差する部分に対応する位置に形成する。

#### 【0135】

次に、図41(c)に示すように、スピコート法によりガラス基板221の上側にアクリル系ネガ型フォトレジストを塗布し、露光及び現像工程を経て、高さが約 $3.8\mu\text{m}$ のスペーサ225aを形成する。図41(c)では、スペーサ225bが3画素に2つの割合で形成されている場合を図示しているが、前述したように、3画素に1つの割合で形成してもよい。但し、スペーサ225bは、TFT基板側のゲートバスラインとデータバスラインとが交差する部分に対応する位置であって、かつ、スペーサ225aが形成されていない位置に形成する。この場合、スペーサ225aとスペーサ225bとを同じ材料により形成してもよいし、スペーサ225aを圧縮強度が比較的低い（すなわち、弾力性が大きい）樹脂により形成し、スペーサ225bを圧縮強度が比較的高い樹脂により形成してもよい。また、スペーサ225aの分布密度とスペーサ225bの分布密度は、要求される仕様に応じて適宜設定する。

#### 【0136】

その後、全面にポリイミドからなる配向膜を形成し、その配向膜によりコモン電極224及びスペーサ225a、225bの表面を覆う。これにより、CF基板が完成する。

一方、TFT基板は、例えば第1の実施の形態と同様に形成することができる（図1～図3参照）。すなわち、ガラス基板211上に金属膜を形成し、その金属膜をフォトリソグラフィ法によりパターニングして、ゲートバスライン及び蓄積容量バスラインを形成する。その後、全面に絶縁膜を形成し、その上にTFTの活性層となるシリコン膜を形成する。

#### 【0137】

次に、全面に絶縁膜を形成する。その後、絶縁膜上に金属膜を形成し、その金属膜をフォトリソグラフィ法によりパターニングして、データバスライン、ソース電極及びドレイン電極を形成する。

次いで、基板 2 1 1 の上側全面に絶縁膜を形成し、その絶縁膜上に I T O 膜を形成する。そして、I T O 膜をパターニングし、画素電極 2 1 6 を形成する。その後、全面に配向膜 2 1 7 を形成する。これにより、T F T 基板が完成する。

## 【 0 1 3 8 】

このようにして形成した C F 基板 2 2 0 と T F T 基板 2 1 0 とを貼り合わせ、両者の間に液晶 2 2 9 を封入する。これにより、本実施の形態の液晶表示装置が完成する。

なお、上記の例では、スペーサ 2 2 5 a, 2 2 5 b の材料としてアクリル樹脂を使用した場合について説明したが、スペーサ 2 2 5 a, 2 2 5 b の材料はこれに限定されるものではなく、ポリイミド系樹脂、シリカ系樹脂、エポキシ系樹脂又はノボラック樹脂等により形成してもよい。ポリイミドのように非感光性樹脂を使用する場合は、ガラス基板 2 2 1 上に非感光性樹脂膜を形成した後、該非感光性樹脂膜をフォトリソ法を用いてパターニングする。

## 【 0 1 3 9 】

また、上記の例ではスペーサ 2 2 5 a, 2 2 5 b をいずれも C F 基板側に形成する場合について説明したが、T F T 基板側にスペーサ 2 2 5 a, 2 2 5 b を形成してもよく、スペーサ 2 2 5 a, 2 2 5 b のいずれか一方を T F T 基板側に形成し、他方を C F 基板側に形成してもよい。

更に、本実施の形態においては T N 型液晶表示装置について説明したが、これにより本発明の適用範囲が T N 型液晶表示装置に限定されるものではない。本発明は、S T N (Super Twisted Nematic) 型液晶表示装置、M V A (Multi Vertical Alignment) 型液晶表示装置及び I P S (In-Panel Switching) 型液晶表示装置、強誘電型液晶表示装置及び反強誘電型液晶表示装置等に適用することもできる。

## 【 0 1 4 0 】

以下、スペーサの好適な分布密度について考察した結果について説明する。

図 4 2 に示すようにポリイミドからなる 3 色のカラーフィルタ 2 2 3 R, 2 2 3 G, 2 2 3 B、I T O からなるコモン電極 2 2 4、及びノボラック樹脂膜 2 2 8 が積層されてなるスペーサに対して、圧縮変位を測定すると図 4 3 に示すよう

になる。ここで、スペーサ上部の面積は  $500\ \mu\text{m}^2$  であり、ブラックマトリクスは3色のカラーフィルタ 2 2 3 R, 2 2 3 G, 2 2 3 B を積層して形成している。

#### 【0 1 4 1】

このような構造の場合、最大荷重が 5 0 mN 程度では変位ヒステリシスが小さいとして液晶パネルの圧縮荷重に対する変異量を計算すると、図 4 4 の曲線が得られる。

液晶注入量をコントロールして液晶パネルのセル内圧を 0. 7 気圧とした場合、スペーサには通常状態で 0. 3 気圧程度の荷重がかかっている。外部温度が 2 5℃ から - 2 5℃、又は 2 5℃ から 6 0℃ に変化したときの液晶の体積の変化をセルギャップに換算すると、約 0. 1  $\mu\text{m}$  となる。つまり、荷重が小さい初期変位では、圧縮荷重が 0. 3 気圧での変位を中心に  $\pm 0. 1\ \mu\text{m}$  程度変位可能でなければならない。このように、荷重が小さいときは、スペーサが変位しやすい傾向がよく、上記のスペーサでは図 4 4 よりスペーサの密度が 1 / 6 (6 画素に 1 つの割合) 以下に密度の上限が制限される。

#### 【0 1 4 2】

一方、荷重が大きい面押しに対する耐性をもたせるためには、樹脂の変位ヒステリシスが最大変位の 1 0 % 程度であるため、荷重が大きい領域では変位を抑える必要がある。実際の面押し加圧は 2 気圧程度であり、表示むらを起こさないためには圧縮荷重が 0. 3 から 2 気圧までの変化で、0. 5  $\mu\text{m}$  以下の変位量であればよい。これにより、スペーサ密度の下限が制限され、図 4 4 により密度 1 / 1 2 (1 2 画素に 1 つの割合) 以上となる。

#### 【0 1 4 3】

これに対し、オートクレーブでは、セル内の体積を 5 % 減少させて気泡を消去するために、スペーサは 0. 2  $\mu\text{m}$  程度圧縮されなければならない。オートクレーブでは、5 気圧程度の荷重を液晶パネルにかけるが、液晶が密閉されていることや表示部周辺にシール材があることから、実際にスペーサにかかる荷重は 1 / 2 程度であると考えられる。そうすると、変位量を 0. 5  $\mu\text{m}$  以下とするためには、スペーサの密度を 1 / 6 (6 画素の 1 つの割合) 以下とすることが必要であ

る。

#### 【 0 1 4 4 】

以上から、スペーサには、荷重の小さい領域では変位しやすく、荷重が大きい領域では変位しにくいことが求められる。

本実施の形態のように、高さが異なるスペーサを形成することによりこの要求を満たすことができる。高さが  $4.0\ \mu\text{m}$ 、密度が  $1/12$  の第 1 のスペーサと、高さが  $3.7\ \mu\text{m}$ 、密度が  $1/6$  の第 2 のスペーサとを形成したときの変位を、図 4 4 に「Hybrid」で示す。このように、スペーサの構造によって圧縮荷重が  $0\sim 1$  気圧までは変位が大きく、 $1$  気圧以上の荷重では変位量が比較的小さくなり、スペーサとして好ましい特性を実現することができる。

#### 【 0 1 4 5 】

##### (第 1 0 の実施の形態)

図 4 5 は本発明の第 1 0 の実施の形態の液晶表示装置の断面図である。なお、本実施の形態が第 9 の実施の形態と異なる点はスペーサの構造が異なることにあり、その他の構成は基本的に第 9 の実施の形態と同様であるので、図 4 5 において、図 3 8 と同一物には同一符号を付してその詳しい説明は省略する。

#### 【 0 1 4 6 】

ガラス基板 2 2 1 の下面側にはブラックマトリクス 2 2 2 が形成されており、ブラックマトリクス 2 2 2 の開口部、すなわち各画素領域に対応して R G B のカラーフィルタ 2 2 3 R, 2 2 3 G, 2 2 3 B が形成されている。また、カラーフィルタ 2 2 3 R, 2 2 3 G, 2 2 3 B の下には、I T O からなるコモン電極 2 2 4 が形成されている。コモン電極 2 2 4 の下側には、樹脂膜 2 2 5 c, 2 2 5 d からなる 2 層構造のスペーサ 2 2 5 が形成されている。樹脂膜 2 2 5 c, 2 2 5 d は、弾性力が相互に異なる材料からなる。例えば、樹脂膜 2 2 5 c は比較的圧縮強度が高い（弾性力が小さい）アクリル樹脂からなり、樹脂膜 2 2 5 d は比較的圧縮強度が小さい（弾性力が大きい）アクリル樹脂からなる。また、スペーサ 2 2 5 は、T F T 基板 2 1 0 側のゲートバスラインとデータバスラインとの交差する部分に形成されている。この図 4 5 では、スペーサ 2 2 5 が 1 画素に 1 つの割合で形成されている場合を示しているが、数画素毎に 1 つの割合で形成されて

いてもよい。

【 0 1 4 7 】

また、基板 2 2 1 の下面側には配向膜 2 2 6 が形成されており、この配向膜 2 2 6 によりコモン電極 2 2 4 及びスペーサ 2 2 5 の表面が覆われている。スペーサ 2 2 5 の先端部分が T F T 基板 2 1 0 に接触して、T F T 基板 2 1 0 と C F 基板 2 2 0 との間のセルギャップが均一の厚さに保持される。

本実施の形態では、スペーサ 2 2 5 が、弾性力が小さい樹脂膜 2 2 5 c と弾性力が大きい樹脂膜 2 2 5 d との 2 層構造からなる。従って、圧縮応力が比較的小さいときは主に樹脂膜 2 2 5 d が弾性変形し、セルギャップの変化に追従する。また、大きな圧縮応力が印加されると、樹脂膜 2 2 5 d だけでなく樹脂膜 2 2 5 c にも応力が印加される。しかしながら、樹脂膜 2 2 5 d は弾性力が小さいので、圧縮応力に対する変形量が少ない。これにより、過剰な応力によりスペーサ 2 2 5 が過度の変形されることが回避される。この例でも、第 9 の実施の形態と同様の効果が得られる。

【 0 1 4 8 】

図 4 6、図 4 7 は本実施の形態の液晶表示装置の C F 基板 2 2 0 の製造方法を示す断面図である。

まず、図 4 6 ( a ) に示すように、ガラス基板 2 2 1 の上側全面に C r 膜を 0 . 1 5  $\mu$  m の厚さに形成し、フォトリソグラフィ法により該 C r 膜をパターニングして、ブラックマトリクス 2 2 2 を形成する。

【 0 1 4 9 】

次に、図 4 6 ( b ) に示すように、ガラス基板 2 2 1 の上側全面に青色顔料を分散したアクリル系レジスト（ネガ型フォトレジスト）をスピコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、青色画素部及びその周囲のブラックマトリクス 2 2 2 の上に青色（B）カラーフィルタ 2 2 3 B を形成する。

次に、図 4 6 ( c ) に示すように、ガラス基板 2 2 1 の上側全面に赤色顔料を分散したアクリル系レジスト（ネガ型フォトレジスト）をスピコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、赤色画素部及びその周囲のブラックマトリクス 2 2 2 の上に赤色（R）カラーフィルタ 2 2 3 R を形成する。



## 【 0 1 5 0 】

次に、図 4 6 (d) に示すように、ガラス基板 2 2 1 の上側全面に緑色顔料を分散したアクリル系レジスト（ネガ型フォトレジスト）をスピンコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、緑色画素部及びその周囲のブラックマトリクス 2 2 2 の上に緑色（G）カラーフィルタ 2 2 3 G を形成する。

次に、図 4 7 (a) に示すように、スパッタ法により、ガラス基板 2 2 1 の上側全面に I T O からなるコモン電極 2 2 4 を約  $0.15\ \mu\text{m}$  の厚さに形成し、このコモン電極 2 2 4 でカラーフィルタ 2 2 3 R, 2 2 3 G, 2 2 3 B の表面を覆う。

## 【 0 1 5 1 】

次に、図 4 7 (b) に示すように、スピンコート法によりガラス基板 2 2 1 の上にアクリル系ネガ型フォトレジスト膜を形成し、露光及び現像工程を経て、高さが約  $2.0\ \mu\text{m}$  の樹脂膜 2 2 5 c を形成する。図 4 7 (b) では、樹脂膜 2 2 5 c が 1 画素に 1 つの割合で形成されている場合を図示しているが、数画素に 1 つの割合で形成してもよい。但し、樹脂膜 2 2 5 c は、T F T 基板側のゲートバスラインとデータバスラインとが交差する部分に対応する位置に形成する。

## 【 0 1 5 2 】

次に、図 4 7 (c) に示すように、スピンコート法によりガラス基板 2 2 1 の上側にアクリル系ネガ型フォトレジスト膜を形成し、露光及び現像工程を経て、樹脂膜 2 2 5 c の上に高さが約  $2.0\ \mu\text{m}$  の樹脂膜 2 2 5 d を形成する。これにより、樹脂膜 2 2 5 c, 2 2 5 d の積層構造からなるスペーサ 2 2 5 が形成される。この場合、樹脂膜 2 2 5 d は樹脂膜 2 2 5 c に比べて弾力性が大きい材料からなる。また、樹脂膜 2 2 5 c, 2 2 5 d の弾力性及び各樹脂膜 2 2 5 c, 2 2 5 d の厚さ及びスペーサ 2 2 5 の分布密度は、要求される仕様に応じて適宜設定する。

## 【 0 1 5 3 】

その後、ガラス基板 2 2 1 の上側全面にポリイミドからなる配向膜を形成し、その配向膜によりコモン電極 2 2 4 及びスペーサ 2 2 5 の表面を覆う。これにより、C F 基板が完成する。

なお、上記の例では樹脂膜 2 2 5 c, 2 2 5 d をいずれも C F 基板側に形成する場合について説明したが、樹脂膜 2 2 5 c, 2 2 5 d を T F T 基板側に形成してもよく、樹脂膜 2 2 5 c, 2 2 5 d の一方を C F 基板側に形成し、他方を T F T 基板側に形成してもよい。

## 【 0 1 5 4 】

(第 1 1 の実施の形態)

図 4 8 は本発明の第 1 1 の実施の形態の液晶表示装置 (M V A 型液晶表示装置) の平面図、図 4 9 は同じくその液晶表示装置の断面図である。

本実施の形態の液晶表示装置は、T F T 基板 2 3 0 と、C F 基板 2 4 0 と、これらの基板 2 3 0, 2 4 0 間に封入された垂直配向型液晶 2 5 9 とにより構成されている。

## 【 0 1 5 5 】

T F T 基板 2 3 0 は、第 1 の実施の形態と同様に形成されている (図 1 参照)。すなわち、ガラス基板 2 3 1 の上には、ゲートバスライン (図示せず)、データバスライン (図示せず)、蓄積容量バスライン (図示せず) 及び T F T (図示せず) が形成されており、それらの上には絶縁膜 (図示せず) を介して I T O からなる画素電極 2 3 6 が形成されている。この画素電極 2 3 6 には、第 1 の実施の形態と同様にスリット (図示せず) が設けられている。また、ガラス基板 2 3 1 の上側には配向膜 2 3 7 が形成されており、この配向膜 2 3 7 により画素電極 2 3 6 の表面が覆われている。

## 【 0 1 5 6 】

一方、C F 基板 2 4 0 は、以下のように構成されている。すなわち、ガラス基板 2 4 1 の下面側には、ブラックマトリクス 2 4 2 が形成されている。このブラックマトリクス 2 4 2 は、T F T 基板 2 3 0 側のゲートバスライン、データバスライン及び蓄積容量バスラインに対応する領域に形成されている。

また、ガラス基板 2 4 1 の下面側には、ブラックマトリクス 2 4 2 の開口部、すなわち各画素領域に対応して R G B のカラーフィルタ 2 4 3 R, 2 4 3 G, 2 4 3 B が形成されている。この実施の形態では、図 4 9 に示すように、ブラックマトリクス 2 4 2 に下側に、カラーフィルタ 2 4 3 R, 2 4 3 G, 2 4 3 B がそ

れぞれ 3 層に積層されている。

【0157】

更に、カラーフィルタ 243R, 243G, 243B の下側には、ドメイン規制用突起部 246a が図 48 に示すようにジグザグに形成されている。また、ゲートバスラインとデータバスラインとが交差する部分には、3 画素に 1 つの割合で樹脂膜 246b が設けられている。この樹脂膜 246b は、後述するように、突起部 246a と同一のレジスト膜から同時に形成されたものである。

【0158】

更にまた、ゲートバスラインとデータバスラインとが交差する部分には、それぞれ樹脂膜 247 が形成されている。図 48 に示すスペーサ 251 は、ブラックマトリクス 242 の下方に積層されたカラーフィルタ 243R, 243G, 243B と、樹脂膜 24b と樹脂膜 247 とにより構成される。また、図 48 に示すスペーサ 252 は、ブラックマトリクス 242 の下方に積層されたカラーフィルタ 243R, 243G, 243B と、樹脂膜 247 とにより構成される。

【0159】

ガラス基板 241 の下面側には配向膜 248 が形成されており、この配向膜 248 によりコモン電極 245、突起部 246a 及びスペーサ 251, 252 の表面が覆われている。また、本実施の形態においては、常温の状態で、スペーサ 251 の先端部分が TFT 基板 230 に接触しており、スペーサ 252 の先端部分は TFT 基板 230 から離れている。

【0160】

本実施の形態においても、高さが異なる 2 種類のスペーサ 251, 252 によりセルギャップの変化に対応するので、第 9 の実施の形態と同様の効果が得られる。

図 50, 図 51 は本実施の形態の液晶表示装置の CF 基板の製造方法を示す図である。

【0161】

まず、図 50 (a) に示すように、ガラス基板 241 の上に低反射 Cr 膜を 0.15  $\mu$ m の厚さに形成し、その上にポジ型ノボラック系レジスト (図示せず)

を約  $1.5\ \mu\text{m}$  の厚さに形成する。そして、露光工程及び現像工程を経てレジストをパターニングし、このレジストをマスクとして Cr 膜をエッチングすることによりブラックマトリクス 2 4 2 を形成する。その後、レジストを除去する。

## 【 0 1 6 2 】

次に、図 5 0 (b) に示すように、ガラス基板 2 4 1 の上側全面に青色の顔料分散型レジストをスピンコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、青色画素部及びスペーサ形成部に、厚さが  $1.5\ \mu\text{m}$  の青色 (B) カラーフィルタ 2 4 3 B を形成する。

次に、図 5 0 (c) に示すように、ガラス基板 2 4 1 の上側全面に赤色の顔料分散型レジストをスピンコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、赤色画素部及びスペーサ形成部に、厚さが  $1.5\ \mu\text{m}$  の赤色 (R) カラーフィルタ 2 4 3 R を形成する。但し、スペーサ形成部では、カラーフィルタ 2 4 3 R の厚さはこれよりも薄くなる。

## 【 0 1 6 3 】

次に、図 5 0 (d) に示すように、ガラス基板 2 4 1 の上側全面に緑色の顔料分散型レジストをスピンコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、緑色画素部及びスペーサ形成部に、厚さが約  $1.5\ \mu\text{m}$  の緑色 (G) カラーフィルタ 2 4 3 G を形成する。但し、スペーサ形成部では、カラーフィルタ 2 4 3 G の厚さはこれよりも薄くなる。

## 【 0 1 6 4 】

次に、図 5 1 (a) に示すように、ガラス基板 2 4 1 の上側全面に I T O をスパッタして、約  $0.15\ \mu\text{m}$  の厚さのコモン電極 2 4 5 を形成する。

その後、スピンコート法により、コモン電極 2 4 5 の上にポジ型ノボラック系レジストを約  $1.5\ \mu\text{m}$  の厚さに塗布する。そして、このレジストを露光及び現像処理して、所定のパターン (突起部 2 4 6 a のパターン及びスペーサ 2 5 1 のパターン) にレジストを残す。その後レジストパターンを  $200^{\circ}\text{C}$  の温度でポストバークする。このようにして、図 5 1 (b) に示すように、基板 2 4 1 の上側に突起部 2 4 6 a 及び樹脂膜 2 4 6 b が形成される。この場合、カラーフィルタ 2 4 3 B, 2 4 3 R, 2 4 3 G の積層分の高さ (画素部のカラーフィルタの表面

からの高さ)は、 $1.7\mu\text{m}$ 程度となり、その上に形成される樹脂膜 2 4 6 b の高さ(厚さ)は、レベリングにより  $0.4\mu\text{m}$ 程度となる。

#### 【0 1 6 5】

次いで、スピコート法により、基板 2 4 1 の上側全面にポジ型ノボラック系レジストを約  $3\mu\text{m}$ の厚さに塗布する。そして、このレジストを露光及び現像処理して、所定のパターン(スペーサ 2 5 1, 2 5 2 のパターン)にレジストを残す。このようにして、図 5 1 (c)に示すように、ガラス基板 2 4 1 の上側に樹脂膜 2 4 7 が形成される。

#### 【0 1 6 6】

その後、基板 2 4 1 の上側全面に配向膜 2 4 8 を形成する。これにより、C F 基板が完成する。

T F T 基板 2 3 0 の製造方法は第 1 の実施の形態と同様であるので、ここでは説明を省略する。

上記の方法によれば、高さが約  $0.4\mu\text{m}$ 異なる 2 種類のスペーサ 2 5 1, 2 5 2 を比較的容易に形成することができる。

#### 【0 1 6 7】

なお、上記の例ではブラックマトリクス 2 4 2 を低反射 C r 膜により形成した場合について説明したが、黒色樹脂(厚さ約  $1.0\mu\text{m}$ )によりブラックマトリクスを形成してもよい。また、上記の例ではスペーサ形成部にいずれもカラーフィルタ 2 4 3 B, 2 4 3 R, 2 4 3 G を 3 層に積層した場合について説明したが、所定のセルギャップを確保することができるのであれば、スペーサ部のフィルタは 1 層でも 2 層でもよい。

#### 【0 1 6 8】

また、カラーフィルタの積層数を変えることにより、高さが異なる 2 種類のスペーサを形成してもよい。この方法は、ドメイン規制用突起部を有しない T N 型液晶表示装置等に適用することができる。

#### (第 1 2 の実施の形態)

以下、本発明の第 1 2 の実施の形態の液晶表示装置の製造方法について説明する。但し、本実施の形態が第 9 の実施の形態と異なる点は C F 基板の製造方法が

異なることにあるので、重複する部分の説明は省略する。

【 0 1 6 9 】

図 5 2, 図 5 3 は第 1 2 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す断面図である。また、図 5 4 は C F 基板の模式的平面図である。図 5 4 において、□印は通常時に T F T 基板と接触するスペーサ（高さが高いスペーサ）、○印は通常時に T F T 基板に接触しないスペーサ（高さが低いスペーサ）の位置を示している。

【 0 1 7 0 】

まず、図 5 2 ( a ) に示すように、ガラス基板 2 6 1 の上側全面に C r 膜を 0 . 1 5  $\mu$  m の厚さに形成し、フォトリソグラフィ法により該 C r 膜をパターンニングして、ブラックマトリクス 2 6 2 を形成する。

次に、図 5 2 ( b ) に示すように、ガラス基板 2 6 1 の上側全面に青色顔料を分散したアクリル系レジスト（ネガ型フォトレジスト）をスピンコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、青色画素部に青色（B）カラーフィルタ 2 6 3 B を形成する。このとき、3 画素に 1 つの割合で、ブラックマトリクス 2 6 2 の上にもカラーフィルタ 2 6 3 B を形成しておく。この例では、青色画素部と赤色画素部との間のブラックマトリクス 2 6 2 の上にカラーフィルタ 2 6 3 B を形成している。

【 0 1 7 1 】

次に、図 5 2 ( c ) に示すように、ガラス基板 2 2 1 の上側全面に赤色顔料を分散したアクリル系レジスト（ネガ型フォトレジスト）をスピンコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、赤色画素部に赤色（R）カラーフィルタ 2 6 3 R を形成する。この場合、ブラックマトリクス 2 6 2 の上にはカラーフィルタ 2 6 3 R が残らないようにする。

【 0 1 7 2 】

次に、図 5 2 ( d ) に示すように、ガラス基板 2 6 1 の上側全面に緑色顔料を分散したアクリル系レジスト（ネガ型フォトレジスト）をスピンコート法により塗布し、露光及び現像工程を経て、緑色画素部に緑色（G）カラーフィルタ 2 6 3 G を形成する。この場合も、ブラックマトリクス 2 6 2 の上にはカラーフィル

タ 2 6 3 G が残らないようにする。

【 0 1 7 3 】

次に、図 5 3 ( a ) に示すように、スパッタ法により、ガラス基板 2 6 1 の上側全面に I T O を約  $0.15 \mu\text{m}$  の厚さに堆積して、コモン電極 2 6 4 を形成する。

次に、図 5 3 ( b ) に示すように、スピコート法によりガラス基板 2 6 1 の上に、厚さが例えば  $4 \mu\text{m}$  のフォトリソ膜 2 6 5 を形成する。この場合、青色画素部と赤色画素部との間のブラックマトリクス 2 6 2 の上にはカラーフィルタ 2 6 3 B が形成されているのに対し、赤色画素部と緑色画素部との間のブラックマトリクス 2 6 2 及び緑色画素部と青色画素部との間のブラックマトリクス 2 6 2 の上にはカラーフィルタが形成されていないので、レジスト膜 2 6 2 の表面には段差が生じる。

【 0 1 7 4 】

その後、露光及び現像工程を経てレジスト膜 2 6 5 をパターニングし、図 5 3 ( c ) に示すように、ブラックマトリクス 2 6 2 の上方にスペーサ 2 6 5 a を形成する。この場合、青色画素部と赤色画素部との間のスペーサ 2 6 5 a は、赤色画素部と緑色画素部との間、及び緑色画素部と青色画素部との間のスペーサ 2 6 5 a に比べて、カラーフィルタ 2 2 3 R, 2 2 3 G とブラックマトリクス 2 6 2 との間の段差に相当する分だけ高さが異なる。このようにして、高さが異なるスペーサを同一材料から同時に形成することができる。

【 0 1 7 5 】

その後、基板 2 6 1 の上側全面に配向膜（図示せず）を形成し、この配向膜により C F 基板 2 6 4 及びスペーサ 2 6 5 a の表面を覆う。本実施の形態においても、第 9 の実施の形態と同様の効果が得られる。

（第 1 3 の実施の形態）

以下、本発明の第 1 3 の実施の形態について説明する。本実施の形態では、スペーサの分布密度が  $n$  (個 /  $\text{cm}^2$ )、前記スペーサ 1 つあたりに  $9.8 / n$  (N) の力を加えたときの変位量を  $x$  とし、前記一対の基板間の平均間隔を  $d$  とし、 $60^\circ\text{C}$  における前記液晶の密度を  $\rho_{60}$  ( $\text{g} / \text{cm}^3$ )、 $-20^\circ\text{C}$  における前記

液晶の密度を  $q_{-20}$  ( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) としたときに、荷重に対する変位量が下記式 (1) で示す不等式を満たすように、スペーサを形成する。

【0176】

$$x/d > (1/q_{60} - 1/q_{-20}) / (1/q_{60}) \quad \cdots (1)$$

また、 $-20^\circ\text{C}$ における液晶の密度が確定できず、 $20^\circ\text{C}$ における液晶の密度が確定できるときは、下記式 (2) で示す不等式を満たすように、スペーサを形成してもよい。

$$x/d > 2 \times (1/q_{60} - 1/q_{20}) / (1/q_{60}) \quad \cdots (2)$$

以下、その理由について説明する。

【0177】

従来の球形又は棒状のスペーサを散布する方式では、画素領域内に存在するスペーサにより液晶分子の配向が乱れるのに対し、第1の実施の形態のようにTF基板とCF基板との間に柱状のスペーサを形成した場合は、画素領域内での配向の乱れがないため、高品質の画像を得ることができる。

しかしながら、柱状のスペーサに弾力性がないとすると、高温の環境下に液晶表示装置を放置したときに、液晶が熱膨張してスペーサと基板との間が離れてしまうことがある。以下、この現象を高温だぶつきという。また、逆に低温の環境下に液晶表示装置を放置したときに、液晶が熱収縮して発泡が生じることがある。以下、この現象を低温発泡という。

【0178】

これらの高温だぶつき及び低温発泡を防止するために、柱状のスペーサには、液晶の熱膨張及び熱収縮に追従できるある程度の弾力性が要求される。

スペーサをフォトリジスト樹脂で形成した場合は、スペーサ自体が弾力性を有する。図55は、横軸に押し込み変位量（圧縮変位）をとり、縦軸に押し込み荷重（圧縮荷重）をとって、フォトリジスト樹脂から形成したスペーサ1つ当りの変位量と荷重との関係を調べた結果の一例を示す図である。図55に示すように、フォトリジスト樹脂から形成したスペーサに場合は荷重に応じて変形するが、スペーサの分布密度を調整することによって、スペーサ1つあたりに印加される荷重と変位量を調整することができる。



## 【0179】

本願発明者らは、XGA（1024×768ピクセル）の15型液晶表示装置について、スペーサの分布密度を変えて高温だぶつき及び低温発泡の有無を調べた。図56にその結果を示す。なお、セルギャップの間隔の平均値 $d$ は4 $\mu$ mである。また、密度141個/cm<sup>2</sup>が24画素に1つの割合でスペーサを形成した場合に相当し、密度283個/cm<sup>2</sup>が12画素に1つの割合でスペーサを形成した場合に相当し、密度567個/cm<sup>2</sup>が6画素に1つの割合でスペーサを形成した場合に相当し、密度1133個/cm<sup>2</sup>が3画素に1つの割合でスペーサを形成した場合に相当し、密度3400個/cm<sup>2</sup>が1画素に1つの割合でスペーサを形成した場合に相当する。

## 【0180】

液晶の60℃における密度 $q_{60}$ は約0.97g/cm<sup>3</sup>、-20℃における密度 $q_{-20}$ は1.03g/cm<sup>3</sup>である。従って、前記式（1）における右辺は0.058となる。

図56に示すように、 $x/d$ の値が0.058よりも大きい場合（No1, No2, No3）は、高温だぶつき及び低温発泡のいずれも発生しないが、それよりも小さい場合（No4, No5）は高温だぶつき及び低温発泡が発生している。

## 【0181】

従って、本実施の形態においては、式（1）又は式（2）を満たすように、スペーサの材質及び密度を設定する。例えば、図57（a）に示すように、TFT基板10及びCF基板20のいずれか一方（図57（a）ではCF基板20側）に柱状のスペーサ25aを形成した液晶表示装置、又は図57（b）に示すように、TFT基板10及びCF基板20の両方にそれぞれ柱状のスペーサ25c, 25dを形成した液晶表示装置の場合、スペーサ25a, 25c, 25dの材質及び密度を、式（1）又は式（2）を満たすように設定する。

## 【0182】

なお、図57（a），（b）において、TFT基板10は、ガラス基板11とその上に形成された画素電極16a、TFT（図示せず）、ゲートバスライン（

図示せず) 及びデータバスライン (図示せず) 等からなり、C F 基板 2 0 は、ガラス基板 2 1 とその下面側に形成されたブラックマトリクス 2 2、カラーフィルタ 2 3 及びコモン電極 2 4 等からなる。また、T F T 基板 1 0 と C F 基板 2 0 との間には液晶 2 9 が封入されている。

#### 【0 1 8 3】

本実施の形態においては、スペーサの材質は特に限定されるものではないが、例えばポリイミド樹脂、フェノール系樹脂、ノボラック系樹脂及びアクリル系樹脂等を使用することができる。

#### (第 1 4 の実施の形態)

以下、本発明の第 1 4 の実施の形態について説明する。

#### 【0 1 8 4】

図 5 8 は第 1 4 の実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板の断面図、図 5 9 は同じくその T F T 形成部近傍を拡大して示す図である。なお、図 5 8 においては図 5 9 に示す絶縁膜 3 1 8 の上にスペーサとなる樹脂膜 (突起) を選択的に形成し、その突起の先端部を C F 基板に接触させることによってセルギャップを一定に維持している例を示している。

#### 【0 1 8 5】

この液晶表示装置は、T F T 基板 3 1 0 と、C F 基板 3 2 0 と、これらの T F T 基板 3 1 0 と C F 基板 3 2 0 との間に封入された液晶 3 2 9 とにより構成されている。

T F T 基板 3 1 0 は、以下のように構成されている。すなわち、ガラス基板 3 1 1 の上には、ゲートバスライン 3 1 2 が形成されており、ゲートバスライン 3 1 2 の上には絶縁膜 (ゲート絶縁膜) 3 1 3 が形成されている。但し、本実施の形態では、図 5 8、図 5 9 に示すように、画素領域には絶縁膜 3 1 3 が形成されていない。

#### 【0 1 8 6】

絶縁膜 3 1 3 の上には T F T の活性層となるシリコン膜 3 1 4 が選択的に形成されている。また、シリコン膜 3 1 4 の上には、ゲートバスライン 3 1 2 と同じ幅のチャネル保護膜 (絶縁膜) 3 1 5 が形成されている。このチャネル保護膜 3

15の両端部からシリコン膜314の両端部までのそれぞれの領域上には、n型不純物を高濃度にドーピングした $n^+$ 型シリコン膜316が形成されている。そして、シリコン膜316の上には、Ti（チタン）膜317a、Al（アルミニウム）膜317b及びTi膜317cの3層構造の導電膜（データバスライン、ソース電極及びドレイン電極）317が形成されている。

#### 【0187】

これらのシリコン膜314、チャネル保護膜315、 $n^+$ 型シリコン膜316及び導電膜317は、絶縁膜（最終保護膜）318に覆われている。この絶縁膜318も、画素領域の上には形成されていない。

絶縁膜318には、TFTのソース電極（導電膜317）に到達するコンタクト孔318aが形成されている。画素電極319は、コンタクト孔318aからガラス基板311上の画素領域にわたる領域に形成されており、コンタクト孔318aを介してTFTのソース側の導電膜317に電氣的に接続されている。なお、画素電極319はITOからなる。

#### 【0188】

また、ガラス基板311上の全面には配向膜（図示せず）が形成されており、この配向膜により画素電極319及び絶縁膜318の表面が覆われている。

一方、CF基板320は以下のように形成されている。すなわち、ガラス基板321の下面側の青色画素領域には青色カラーフィルタ323Bが形成され、赤色画素領域には赤色カラーフィルタ323Rが形成され、緑色画素領域には緑色カラーフィルタ323Gが形成されている。また、ガラス基板321の下面側の画素間の領域にはカラーフィルタ323B、323R、323Gが3層に積層されて、ブラックマトリクスとなっている。

#### 【0189】

これらのカラーフィルタ323B、323R、323Gの下には、ITOからなるコモン電極324が形成されている。また、コモン電極324の下には、配向膜（図示せず）が形成されている。

本実施の形態においては、画素領域には絶縁膜313、318が形成されていないので、絶縁膜318と対向するセルギャップ調整用スペーサの高さを高くし

なくとも、所定のセルギャップを確保することができる。これにより、セルギャップ調整用スペーサの形成が容易になる。また、絶縁膜 3 1 3, 3 1 8 の厚さ分だけ、液晶表示装置（液晶パネル）の厚さを薄くすることができる。

#### 【0 1 9 0】

以下、本実施の形態の液晶表示装置の製造方法について説明する。但し、C F 基板の製造方法は基本的に従来と同様であり、また図 5 8 に示す C F 基板に替えて第 1 の実施の形態等で説明した C F 基板等を使用することもできるので、ここでは C F 基板の製造方法は省略する。

図 6 0, 図 6 1 は、本実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板の製造方法を示す断面図である。

#### 【0 1 9 1】

まず、図 6 0 (a) に示すように、ガラス基板 3 1 1 の上に、例えば A l (アルミニウム)、T i (チタン) 若しくはそれらの積層体又は C r などからなる厚さが  $0.15 \mu\text{m}$  の導電膜を形成し、フォトリソグラフィ法により該導電膜をパターンニングして、ゲートバスライン 3 1 2 及び蓄積容量バスライン（図示せず）等を形成する。その後、ガラス基板 3 1 1 の上に S i N x を約  $0.35 \mu\text{m}$  の厚さに堆積させて、絶縁膜（ゲート絶縁膜） 3 1 3 を形成する。

#### 【0 1 9 2】

次に、絶縁膜 3 1 3 の上に T F T の活性層となるアモルファスシリコン膜 3 1 4 を約  $0.03 \mu\text{m}$  の厚さに形成する。更に、アモルファスシリコン膜 3 1 4 の上に S i N x を約  $0.15 \mu\text{m}$  の厚さに堆積する。そして、この S i N x 膜の上にフォトレジストを塗布し、該フォトレジストをガラス基板 3 1 1 の下面側から露光する。その後、現像処理を施して、ゲートバスライン 3 1 2 の上方にのみレジスト膜を残す。このレジスト膜をマスクとして S i N x 膜をエッチングすることにより、図 6 0 (b) に示すように、シリコン膜 3 1 4 の上にチャネル保護膜 3 1 5 を選択的に形成する。その後、チャネル保護膜 3 1 5 上のレジスト膜を除去する。

#### 【0 1 9 3】

次に、ガラス基板 3 1 1 の上側に、n 型不純物をドーブした  $n^+$  型アモルファ

スシリコン膜を約 $0.03\mu\text{m}$ の厚さに形成する。その後、 $n^+$ アモルファスシリコン膜の上に厚さが約 $0.02\mu\text{m}$ のTi膜、厚さが約 $0.08\mu\text{m}$ のAl膜、厚さが約 $0.05\mu\text{m}$ のTi膜を順次形成し、これらのTi膜、Al及びTi膜の積層構造からなる導電膜を形成する。そして、フォトリソグラフィ法により、図60(c)に示す形状に、導電膜317、 $n^+$ 型アモルファスシリコン膜316及びアモルファスシリコン膜314をパターニングする。

## 【0194】

次に、図61(a)に示すように、ガラス基板311の上側全面に、 $\text{SiN}_x$ からなる絶縁膜（最終保護膜）318を、約 $0.33\mu\text{m}$ の厚さに形成する。

その後、フォトリソグラフィ法により、絶縁膜318にTFTのソース電極（導電膜317）に到達するコンタクトホールを形成するとともに、各画素領域上の絶縁膜318、313を除去する。コンタクトホールの形成及び画素領域上の絶縁膜の除去には、例えばドライエッチングを使用することができる。ドライエッチング時の条件としては、例えば、使用するガス及びその流量として $\text{SF}_6/\text{O}_2 = 150/250$  (sccm)、圧力が $8.0\text{Pa}$ 、パワーが $600\text{W}$ とする。

## 【0195】

次いで、図61(b)に示すように、基板311の上側にITOをスパッタ成膜し、フォトリソグラフィ法によりITO膜をパターニングして、画素電極319を形成する。その後、基板311の上側全面にポリイミドからなる配向膜を $0.05\sim 0.1\mu\text{m}$ の厚さに形成する。これにより、TFT基板310が完成する。

## 【0196】

なお、上記の例では赤色画素領域、緑色画素領域及び青色画素領域の上の絶縁膜313、318をいずれも完全に除去する場合について説明したが、図62に示すように、赤色画素領域、緑色画素領域及び青色画素領域のうちのいずれか1つ又は2つの画素領域に絶縁膜313、318を残してもよい。これにより、色毎にセルギャップを調整した、いわゆるマルチセルギャップの液晶表示装置を実現することができる。例えば、図62に示す例では、青色画素領域に絶縁膜313、318を残し、赤色画素領域及び緑色画素領域の絶縁膜313、318を除

去しているの、青色画素と赤色画素及び緑色画素とのセルギャップの差が約 0.68  $\mu\text{m}$ となる。マルチセルギャップの液晶表示装置では、色画素毎にセルギャップを調整して光学特性を最適化するので、表示品質がより一層向上するという利点がある。このとき、図 6 3 に示すように、TFT のソース電極と画素領域との間の絶縁膜 3 1 8 を除去してもよい。これにより、ソース電極から画素領域までの間の画素電極 3 1 9 の段差が小さくなり、段切れ（接続不良）を防止することが好ましい。

#### 【0197】

また、絶縁膜 3 1 3, 3 1 8 をドライエッチングする際にエッチング条件を制御して、画素領域に所望の厚さだけ絶縁膜 3 1 3, 3 1 8 を残してもよい。

更に、上記の例では絶縁膜 3 1 3, 3 1 8 をいずれも無機材料 ( $\text{SiN}_x$ ) により形成する場合について説明したが、絶縁性の有機材料により形成してもよい。例えば、絶縁膜 3 1 8 をアクリル、ポリイミド及びエポキシ等の樹脂材料で形成する場合は、スピコート法等により約 1  $\mu\text{m}$  の厚さに形成し、その後コンタクトホール 3 1 8 a の形成と同時に画素領域の上の樹脂材料を選択的に除去する。このようにすることで、上記の例と同様に、画素領域におけるセルギャップの確保や、マルチセルギャップ化に対応することができる。更に、この場合は、色間の段差は絶縁膜 3 1 8 の膜厚で変化するため、絶縁膜 3 1 8 をスピコート法等で塗布する際に膜厚を変化させることで、セルギャップを簡単に調整することができる。

#### 【0198】

本実施の形態では、セルギャップが同じであるとする、画素領域に絶縁膜 3 1 3, 3 1 8 が無い分だけ従来の液晶表示装置に比べてガラス基板 3 1 1, 3 2 1 間の間隔が狭くなる。従って、TFT 基板 3 1 0 と CF 基板 3 2 0 とをシール材で接合した後、基板 3 1 0, 3 2 0 間に液晶を注入する方法では、時間がかかってしまうことが考えられる。しかしながら、例えば TFT 基板 3 1 0 の上に液晶を滴下し、その後 CF 基板 3 2 0 を TFT 基板 3 1 0 上に配置して、TFT 基板 3 1 0 と CF 基板 3 2 0 とを接合する、いわゆる滴下注入法を用いることにより、製造に要する時間を短縮することができる。

## 【 0 1 9 9 】

(第 1 5 の実施の形態)

図 6 4 は本発明の第 1 5 の実施の形態の液晶表示装置を示す断面図である。

この液晶表示装置は、T F T 基板 3 1 0 と、C F 基板 3 2 0 と、これらの T F T 基板 3 1 0 と C F 基板 3 2 0 との間に封入された液晶 3 2 9 とにより構成されている。

## 【 0 2 0 0 】

T F T 基板 3 1 0 は、最終保護膜 3 3 1 が感光性のアクリル樹脂を材料として形成されていることを除けば、基本的に第 1 4 の実施の形態と同じように構成されている。すなわち、ガラス基板 3 1 1 の上にはゲートバスライン 3 1 2 が形成されており、ゲートバスライン 3 1 2 の上及び画素領域の上には絶縁膜（ゲート絶縁膜 3 1 3 が形成されている。

## 【 0 2 0 1 】

絶縁膜 3 1 3 の上には、第 1 4 の実施の形態と同様に、T F T の活性層となるシリコン膜や、データバスライン、ソース電極及びドレイン電極となる導電層等が形成されている（図 5 9 参照）。そして、T F T の上方には樹脂からなる最終保護膜 3 3 1 が形成されており、この最終保護膜 3 3 1 がスペーサとしても作用するようになっている。すなわち、最終保護膜 3 3 1 の先端部分が C F 基板 3 4 0 に接触し、セルギャップを一定に維持するようになっている。

## 【 0 2 0 2 】

T F T のソース電極の端部側の最終保護膜は除去されており、ソース電極の端部上から画素領域の絶縁膜 3 1 3 の上までの領域上に、I T O からなる画素電極 3 1 9 が形成されている。これらの最終保護膜 3 3 1 及び画素電極 3 1 9 の表面は、配向膜（図示せず）により覆われている。

一方、C F 基板 3 4 0 は以下のように形成されている。すなわち、ガラス基板 3 4 1 の下面側には C r 等の金属又は黒色樹脂からなるブラックマトリクス 3 4 2 が形成されており、このブラックマトリクス 3 4 2 により T F T 基板 3 1 0 側のゲートバスライン、データバスライン及び T F T が覆われるようになっている。また、C F 基板 3 4 0 の下面側の画素領域には、赤色（R）、緑色（G）及び

青色 (B) のカラーフィルタ 343R, 343G, 343B が、TFT 基板 310 側の画素電極に対応して形成されている。

【0203】

更に、ブラックマトリクス 343 及びカラーフィルタ 343R, 343G, 343B の下側には ITO からなるコモン電極 344 が形成されている。更にまた、コモン電極 344 の下には、配向膜 (図示せず) が形成されている。

図 65 は、上記の TFT 基板の製造方法を示す断面図である。

まず、第 14 の実施の形態と同様にして、ガラス基板 311 の上に、ゲートバスライン 312、ゲート絶縁膜 313、シリコン膜 314、チャネル保護膜 315、 $n^+$  型シリコン膜 316、導電膜 317 を形成する (図 60 (a) ~ (c) 参照)。

【0204】

次に、図 65 (a) に示すように、スピコート法により、基板 311 の上側全面に感光性アクリル樹脂を約  $4\ \mu\text{m}$  の厚さに塗布して、感光性アクリル樹脂膜 330 を形成する。

次いで、図 65 (b) に示すように、感光性アクリル樹脂を露光及び現像処理して、導電膜 317 及びシリコン膜 314、316 を被覆する最終保護膜 331 を形成する。このとき、TFT のソース側の導電膜 317 の上及び画素領域の上の最終保護膜 331 も除去する。

【0205】

その後、ガラス基板 311 の上側全面に ITO 膜を形成した後、この ITO 膜をパターニングして、画素電極 319 を形成する。そして、ガラス基板 311 の上側全面に配向膜 (図示せず) を形成し、この配向膜により画素電極 319 及び最終保護膜 331 の表面を覆う。これにより、TFT 基板 310 が完成する。

CF 基板は、公知の方法により製造することができるので、ここでは説明を省略する。

【0206】

本実施の形態においては、最終保護膜 331 を感光性アクリル樹脂により形成するので、約  $4\ \mu\text{m}$  と厚く形成することが容易である。そして、この厚く形成し



た最終保護膜 3 3 1 の先端部分が C F 基板 3 4 0 に接触するようにしてセルギャップを一定（約  $4 \mu\text{m}$ ）に維持する。すなわち、最終保護膜 3 3 1 がスペーサとしても作用する。セルギャップは、感光性アクリル樹脂膜の膜厚で決まり、感光性アクリル樹脂膜の膜厚は塗布条件を調整することにより任意に設定することができる。また、画素の色に応じて画素領域のゲート絶縁膜 3 1 3 を選択的に除去することにより、マルチセルギャップに対応することもできる。

#### 【 0 2 0 7 】

従って、本実施の形態によれば、第 1 4 の実施の形態と同様の効果が得られるのに加えて、最終保護膜 3 3 1 をスペーサとしても使用するので、製造工程が簡略化され、製造コストを削減できるという利点がある。また、上述したように、マルチセルギャップにも対応することが可能であり、色度、透過率及びコントラスト等の光学特性が最適化された液晶表示装置を製造することができる。

#### 【 0 2 0 8 】

（第 1 6 の実施の形態）

以下、本発明の第 1 6 の実施の形態について説明する。

図 6 6 は第 1 6 の実施の形態の液晶表示装置（液晶パネル）の液晶注入前の状態を示す平面図、図 6 7 は図 6 6 の D - D 線による断面図である。なお、図 6 7 において、ゲートバスライン及びゲート絶縁膜等の図示を省略するとともに、図 1 と同一物には同一符号を付している。

#### 【 0 2 0 9 】

本実施の形態の液晶表示装置の C F 基板 4 2 0 は、以下のように構成されている。すなわち、ガラス基板 4 2 1 の一方の面側（図 6 7 では下面側）には赤色カラーフィルタ 4 2 3 R、緑色カラーフィルタ 4 2 3 G 及び青色カラーフィルタ 4 2 3 B がそれぞれ所定のパターンで形成されている。

また、本実施の形態では、図 6 7 に示すように、カラーフィルタ 4 2 3 R、4 2 3 G、4 2 3 B のうちの 2 色のカラーフィルタを積層して、画素間の領域を遮光するブラックマトリクスを形成している。更に、表示領域 4 0 1 の外側の遮光領域 4 0 2 には、青色カラーフィルタ 4 2 3 B と赤色カラーフィルタ 4 2 3 R との積層体からなるブラックマトリクスが形成されている。更にまた、液晶注入口

4 0 4 の近傍の遮光領域 4 0 2 の上には、ギャップ保持用スペーサ 4 2 5 c が複数形成されている。更にまた、液晶注入口 4 0 4 には、カラーフィルタ 4 2 3 R , 4 2 3 G , 4 2 3 B が 3 層に積層されてなる柱が複数形成されており、その下にギャップ保持用スペーサ 4 2 5 d が形成されている。そして、これらのスペーサ 4 2 5 c , 4 2 5 d の先端部分が T F T 基板 4 1 0 に接触して、液晶注入口 4 0 4 及びその近傍の遮光領域 4 0 2 におけるギャップを一定に維持している。

#### 【 0 2 1 0 】

T F T 基板 4 1 0 と C F 基板 4 2 0 は、表示領域 4 0 1 よりも外側に塗布されたシール材 4 0 3 で接合され、その後、液晶注入口 4 0 4 を介して T F T 基板 4 1 0 と C F 基板 4 2 0 との間に液晶が注入される。

一般的に、液晶の注入には真空チャンバを使用される。すなわち、T F T 基板と C F 基板とをシール材で接合して液晶パネルとした後、その液晶パネルを、液晶を入れた容器とともに真空チャンバ内に入れる。そして、チャンバ内を真空にした後、液晶注入口を液晶中に浸し、チャンバ内を大気圧に戻す。そうすると、圧力の差により液晶パネル内の空間に液晶が注入される。液晶パネル内に液晶が十分に注入された後、液晶注入口を樹脂で封止する。

#### 【 0 2 1 1 】

例えば、前述した図 2 2 に示すような液晶表示装置では、カラーフィルタを積層してブラックマトリクスを形成するので、C r 等でブラックマトリクスを形成する方法に比べて製造工程が簡略化される。また、フォトレジストを使用して所定の位置にセルギャップ調整用スペーサを形成するので、表示領域内のセルギャップを一定に維持できる。しかしながら、表示領域外側の遮光領域では、C r 等によりブラックマトリクスを形成した液晶表示装置に比べて、T F T 基板と C F 基板との間の隙間が小さくなる。そのため、液晶パネル毎の液晶注入速度のばらつきが大きくなり、その結果、注入に要する時間が長くなるだけでなく、注入不足による気泡の発生や、注入過剰によるセルギャップの増大等の不具合が発生するおそれがある。

#### 【 0 2 1 2 】

これを回避するために、液晶パネル毎に注入時間を調整することも考えられる

。しかしながら、液晶パネル毎に注入時間を調整するとなると、製造効率が著しく低下し、製造コストの増大を招いてしまう。

一方、本実施の形態では、図 6 7 に示すように、液晶注入口 4 0 4 及びその近傍の遮光領域 4 0 2 にスペーサ 4 2 5 d, 4 2 5 c を設けて、これらのスペーサ 4 2 5 d, 4 2 5 c により T F T 基板 4 1 0 と C F 基板 4 2 0 との間の隙間を一定に保持するので、液晶注入に要する時間のばらつきが回避され、上述した不具合の発生を防止することができる。

#### 【 0 2 1 3 】

図 6 8 ～図 7 0 は第 1 6 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す断面図、図 7 1, 図 7 2 は同じくその平面図である。なお、図 7 1, 図 7 2 においては、形成すべきブラックマトリクス形状も合わせて示している。また、図 6 8 ～図 7 0 では、カラーフィルタ形成面を上側としている。

まず、ガラス基板 4 2 1 の上側全面に青色フォトレジストを塗布する。その後、所定のパターンのマスクを用いてフォトレジストを露光した後、現像処理を施して、図 6 8 ( a ) , 図 7 1 ( a ) に示すように、青色画素部と、青色画素部の周囲及び赤色画素部の周囲のブラックマトリクス形成部と、表示領域内のスペーサ形成部 ( 図 2 2 参照 ) と、表示領域外側の遮光領域と、液晶注入口のスペーサ形成部との上に、青色カラーフィルタ 4 2 3 B を  $1.7 \mu\text{m}$  の厚さに形成する。

#### 【 0 2 1 4 】

次に、ガラス基板 4 2 1 の上側全面に赤色フォトレジストを塗布する。その後、所定のパターンのマスクを用いてフォトレジストを露光した後、現像処理を施して、図 6 8 ( b ) , 図 7 1 ( b ) に示すように、赤色画素部と、各画素部の周囲のブラックマトリクス形成部と、表示領域内のスペーサ形成部と、表示領域外側の遮光領域と、液晶注入口のスペーサ形成部との上に、赤色カラーフィルタ 4 2 3 R を  $1.7 \mu\text{m}$  の厚さに形成する。

#### 【 0 2 1 5 】

この場合、表示領域 4 0 1 内で青色カラーフィルタ 4 2 3 B の上に積層された赤色カラーフィルタ 4 2 3 R の厚さは、積層部分の幅 ( ブラックマトリクスの幅 ) が狭い (  $10 \sim 40 \mu\text{m}$  ) ので、プリベーク及びポストベーク時のレベリング

により、 $1.7\mu\text{m}$ よりも薄くなる。一方、遮光領域402及び液晶注入口404のスペーサ形成部で青色カラーフィルタ423Bの上に積層された赤色カラーフィルタ423Rの厚さは、パターンの幅が十分大きいので、画素部の赤色カラーフィルタ423Rとほぼ同じ厚さになる。

#### 【0216】

次に、ガラス基板421の上側全面に緑色フォトレジストを塗布する。その後、所定のパターンのマスクを用いてフォトレジストを露光した後、現像処理を施して、図69(a)，図72(a)に示すように、緑色画素部と、緑色画素部の周囲のブラックマトリクス形成部と、表示領域401内のスペーサ形成部と、液晶注入口404のスペーサ形成部との上に、緑色カラーフィルタ423Gを $1.7\mu\text{m}$ の厚さに形成する。

#### 【0217】

この場合も、表示領域401内で青色カラーフィルタ423B又は赤色カラーフィルタ423Gの上に積層された緑色カラーフィルタ423Gの厚さは、積層部分の幅が狭いので、プリベーク及びポストベークによるレベリングにより、 $1.7\mu\text{m}$ よりも薄くなる。一方、液晶注入口404の赤色カラーフィルタ423Rの上に形成された緑色カラーフィルタ423Gの厚さは、パターンの幅が大きいので、画素部の緑色カラーフィルタ423Gと同じ厚さとなる。

#### 【0218】

次に、図69(b)に示すように、ガラス基板421の上側に、ITOからなるコモン電極424を約 $0.1\mu\text{m}$ の厚さに形成し、このコモン電極424により表示領域401のカラーフィルタ423R，423G，423Bの表面及び遮光領域402のカラーフィルタ423Rの表面を被覆する。但し、液晶注入口404の部分にはコモン電極を形成しない。

#### 【0219】

次いで、ガラス基板421の上側全面にフォトレジストを塗布する。そして、所定のパターンのマスクを用いて露光した後、現像処理を施して、図70，図72(b)に示すように、表示領域401内のカラーフィルタ423R，423G，423Bの上にドメイン規制用の突起部425aを形成するとともに、表示領

域 4 0 1 内の所定の位置にセルギャップ調整用スペーサ 4 2 5 b を形成し、遮光領域 4 0 2 の所定の位置にギャップ保持用スペーサ 4 2 5 c を形成し、液晶注入口 4 0 4 の 3 層のカラーフィルタ 4 2 3 B, 4 2 3 R, 4 2 3 G からなる柱の上にギャップ保持用スペーサ 4 2 5 d を形成する。

#### 【 0 2 2 0 】

この場合に、表示領域 4 0 1 内のドメイン規制用突起部 4 2 5 a、及び表示領域 4 0 1 内のセルギャップ調整用スペーサ 4 2 5 b のパターン幅、並びに遮光領域 4 0 2 のギャップ保持用スペーサ 4 2 5 c 及び液晶注入口 4 0 4 のギャップ保持用スペーサ 4 2 5 d のパターン幅を調整することにより、スペーサ 4 2 5 c, 4 2 5 d の高さ（基板 4 2 1 の表面からの高さ）を、ドメイン規制用突起部 4 2 5 a 及びセルギャップ調整用スペーサ 4 2 5 b よりも高く形成することができる。例えば、表示領域 4 0 1 内のセルギャップ調整用スペーサ 4 2 5 b の高さが 5.6  $\mu$ m、表示領域外側の遮光領域 4 0 2 のスペーサ 4 2 5 c の高さが 5.8  $\mu$ m、液晶注入口 4 0 4 のスペーサ 4 2 5 d の高さが 6.0  $\mu$ m というように、スペーサ 4 2 5 b, 4 2 5 c, 4 2 5 d の高さがそれぞれ異なるようにする。

#### 【 0 2 2 1 】

その後、ガラス基板 4 2 1 の上側に、配向膜（図示せず）を 800 Å の厚さに形成し、この配向膜によりカラーフィルタ 4 2 3 R, 4 2 3 G, 4 2 3 B、ドメイン規制用突起部 4 2 5 a 及びスペーサ 4 2 5 b, 4 2 5 c の表面を覆う。これにより、CF 基板 4 2 0 が完成する。

TF T 基板 4 1 0 は第 1 の実施の形態と同様であるので、ここでは TF T 基板 4 1 0 の製造方法の説明を省略する。

#### 【 0 2 2 2 】

このようにして形成した CF 基板 4 2 0 の縁部に沿ってシール材を塗布し、スペーサ 4 2 5 b, 4 2 5 c, 4 2 5 d の先端部分を TF T 基板 4 1 0 に接触させて、TF T 基板 4 1 0 と CF 基板 4 2 0 とを接合し、液晶パネル 4 0 0 とする。但し、液晶注入口 4 0 4 の部分にはシール材を塗布せず、接合後の TF T 基板 4 1 0 と CF 基板 4 2 0 との間の内部空間が液晶注入口 4 0 4 を介して外部と連絡した状態とする。

## 【 0 2 2 3 】

その後、真空チャンバ内に、液晶パネル400とともに液晶の入った容器を入れて、チャンバ内を真空にする。そして、液晶注入口404を液晶中に浸し、チャンバ内を大気圧に戻す。そうすると、圧力の差により、液晶が液晶パネル400の内部空間に注入される。このとき、本実施の形態では、液晶注入口404及びその近傍の遮光領域402ではスペーサ425d、425cが形成されているので、TFT基板410とCF基板420との間の隙間が比較的大きく、カラーフィルタを積層してブラックマトリクスとしているにもかかわらず、液晶の注入速度が比較的速い。

## 【 0 2 2 4 】

次いで、液晶パネル内に液晶が十分注入された後、液晶注入口404にUV硬化性樹脂を充填し、UV照射して液晶注入口404を封止する。

このとき、UV硬化性樹脂が収縮して液晶注入口404及び遮光領域402におけるギャップが狭められる。これにより、液晶パネルの全体にわたってギャップが均一化される。

## 【 0 2 2 5 】

このようにして、セルギャップが約4.0  $\mu\text{m}$ で液晶パネル全体にわたって均一な液晶パネルが得られる。その後液晶パネルの上側及び下側に偏光板をクロスニコルに配置して貼り付ける。これにより、液晶表示装置が完成する。

上記の方法により液晶表示装置を実際に製造し、液晶注入に要する時間を測定したところ、遮光領域402及び液晶注入口404にスペーサを形成しない場合に比べて、液晶注入時間を約20%短縮することができた。

## 【 0 2 2 6 】

(付記)

(1) 請求項2に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記現像工程の後に、ポストバークする工程を有することが好ましい。

(2) 請求項2に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記露光工程において、前記スペーサを形成する領域と前記突起部を形成する領域との露光量を異なるものとしてもよい。。

【 0 2 2 7 】

(3) 請求項 2 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記マスクの前記スペーサパターンの光透過率と、前記突起パターンの光透過率とが異なることが好ましい。

(4) 請求項 2 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記露光工程において、前記マスクを前記フォトリソ膜に対し平行な方向にずらしながら複数回露光することにより、前記スペーサを形成する領域と前記突起部を形成する領域との露光量を異なるものとしてもよい。

【 0 2 2 8 】

(5) 請求項 2 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記露光工程において、回折光を利用して前記スペーサを形成する領域と前記突起部を形成する領域との露光量を異なるものとしてもよい。

(6) 請求項 8 に記載の液晶表示装置において、前記緑色画素のエッジが、緑色カラーフィルタの上に形成された赤色カラーフィルタのエッジで決定され、前記赤色画素のエッジが、赤色カラーフィルタの上に形成された青色カラーフィルタのエッジで決定され、前記青色画素のエッジが、1 層目の緑色カラーフィルタのエッジにより決定されることが好ましい。

【 0 2 2 9 】

(7) 請求項 8 に記載の液晶表示装置において、前記緑色画素のエッジが、緑色カラーフィルタの上に形成された青色カラーフィルタのエッジで決定され、前記赤色画素のエッジが、赤色カラーフィルタの上に形成された青色カラーフィルタのエッジで決定され、前記青色画素のエッジが、1 層目の緑色カラーフィルタのエッジにより決定されていてもよい。

【 0 2 3 0 】

(8) 請求項 1 0 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記基板が、ガラスよりも紫外線吸収能力が高い材料からなることが好ましい。

(9) 請求項 1 0 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記第 1 のカラーフィルタ及び前記第 2 のカラーフィルタの少なくとも一方に、紫外線吸収材が添加されていることが好ましい。

【 0 2 3 1 】

( 1 0 ) 請求項 1 0 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記基板の表面上に、前記基板の材料に比べて紫外線吸収能力が優れた材料からなる皮膜が形成されていてもよい。

( 1 1 ) 請求項 1 7 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記ブラックマトリクスは、2 色以上のカラーフィルタを積層して形成することが好ましい。

【 0 2 3 2 】

( 1 2 ) 請求項 2 3 又は請求項 2 4 に記載の液晶表示装置において、画素の色に応じて、前記画素領域上に介在する前記最終保護膜の厚さが異なるようにしてもよい。

( 1 3 ) 請求項 2 3 又は請求項 2 4 に記載の液晶表示装置において、前記最終保護膜が、絶縁性の無機材料により形成されていてもよい。

【 0 2 3 3 】

( 1 4 ) 請求項 2 3 又は請求項 2 4 に記載の液晶表示装置において、前記最終保護膜が、絶縁性の有機材料により形成されていてもよい。

( 1 5 ) 請求項 2 5 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記エッチング工程において、画素の色に応じて、前記画素領域上に残す前記第 1 の絶縁膜、又は前記第 2 の絶縁膜の厚さを変化させてもよい。

【 0 2 3 4 】

( 1 6 ) 請求項 2 5 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記第 2 の絶縁膜のうち、前記薄膜トランジスタの上方の部分、セルギャップを維持するためのスペーサとして用いることができる。

( 1 7 ) 請求項 2 5 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記第 2 の絶縁膜を無機材料により形成することができる。

【 0 2 3 5 】

( 1 8 ) 請求項 2 5 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記第 2 の絶縁膜を有機材料により形成してもよい。

( 1 9 ) 請求項 2 8 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記表示領域内の所定の領域に、前記赤色、青色及び緑色のカラーフィルタを 3 層に積層し、



その上に、前記ドメイン規制用突起部と同時にセルギャップ調整用スペーサを形成して、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板とを接合するときに、該セルギャップ調整用スペーサの先端を前記第 2 の基板に接触させることが好ましい。

#### 【0236】

(20) 請求項 28 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記第 1 のギャップ保持用スペーサの形成と同時に、前記表示領域外側のブラックマトリクスの上に第 2 のギャップ保持用スペーサを形成することが好ましい。

(21) 請求項 28 に記載の液晶表示装置の製造方法において、前記第 1 のギャップ保持用スペーサを、前記セルギャップ調整用スペーサよりも高く形成することが好ましい。

#### 【0237】

##### 【発明の効果】

以上説明したように、セルギャップを一定に維持するためのスペーサと、該スペーサよりも高さが低いドメイン規制用突起部とを、フォトリジスト膜を使用して同時に形成することにより、視角特性が良好な液晶表示装置を容易に形成することができる。

#### 【0238】

また、赤色、緑色及び青色のうちの 2 色以上のカラーフィルタを積層してブラックマトリクスとする液晶表示装置において、上層のカラーフィルタのエッジにより赤色画素、緑色画素及び青色がそのうちのいずれか 2 以上の画素のエッジを決定する構造とすることにより、露光装置のステージからの反射光による画素のエッジの位置ずれを回避することができる。これにより、液晶表示装置の表示品質が向上する。

#### 【0239】

更に、相互に高さが異なる第 1 のスペーサ及び第 2 のスペーサを形成し、通常時においては第 1 のスペーサのみでセルギャップを維持し、高い圧力が加えられたときに第 1 スペーサ及び第 2 のスペーサでセルギャップを維持することにより、温度変化による液晶の熱膨張及び熱収縮に起因する表示品質の劣化を回避することができるとともに、オートクレーブ等による高い圧力の印加に起因するスペ

ーサの塑性変形や画素電極とコモン電極との短絡を回避することができる。スペーサが、圧縮変位が異なる複数の膜を積層して構成されている場合も、同様の効果が得られる。

#### 【0240】

更にまた、荷重に対する変位量が所定の不等式を満足するようにスペーサの材質及び密度を設定することにより、温度による液晶の熱膨張及び熱収縮に応じて適度にスペーサが伸縮する。これにより、液晶の熱膨張及び熱収縮に起因する表示品質の劣化を回避することができる。

更に、複数色のうちの少なくとも1色の画素領域で、画素電極と透明基板との間に最終保護膜が介在しない構造、又は画素電極と透明基板との間に介在する最終保護膜の厚さが薄膜トランジスタ上の最終保護膜の厚さよりも薄い構造とすることにより、セルギャップ調整用スペーサの高さを低くしても、所定のセルギャップを確保することができる。これにより、セルギャップ調整用スペーサの形成が容易になる。

#### 【0241】

更にまた、液晶注入口の部分にカラーフィルタを2層以上に積層した柱を形成するとともに、この柱の上にスペーサを形成して、これにより液晶注入口の部分のギャップを確保することにより、液晶時間のばらつきが回避され、液晶の注入不足による気泡の発生や、注入過多によるセルギャップの不均一に起因する表示品質の低下が防止される。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【図1】

図1は本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の断面図である。

##### 【図2】

図2は同じくその液晶表示装置のスペーサ形成部を拡大して示す図である。

##### 【図3】

図3は同じくその液晶表示装置のTFT基板を示す平面図である。

##### 【図4】

図4は同じくその液晶表示装置のCF基板を示す平面図である。

【図 5】

図 5 は第 1 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図（その 1）である。

【図 6】

図 6 は第 1 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図（その 2）である。

【図 7】

図 7 は第 1 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図（その 3）である。

【図 8】

図 8 は第 1 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図（その 4）である。

【図 9】

図 9 は第 1 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図（その 5）である。

【図 1 0】

図 1 0 は第 2 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図であり、マスクの遮光パターンと画素との位置関係を示す図である。

【図 1 1】

図 1 1 は第 2 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図であり、形成後のスペーサ及び突起部のパターンを示す図である。

【図 1 2】

図 1 2 （a）は図 1 1 の B - B 線の位置における断面図、図 1 2 （b）は図 1 1 の C - C 線の位置における断面図である。

【図 1 3】

図 1 3 は第 2 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図であり、突起部形成領域における断面図である。

【図 1 4】

図 1 4 は第 2 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図であ

り、スペーサ形成領域における断面図である。

【図 1 5】

図 1 5 は第 2 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図であり、現像後の膜厚が  $1.5 \mu\text{m}$  となる露光量が通常露光量の  $1/2$  となるレジストを使用する場合のパターン露光を示す図である。

【図 1 6】

図 1 6 は第 3 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図であり、露光工程における模式図である。

【図 1 7】

図 1 7 は第 3 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図であり、突起部形成用パターンを示す図である。

【図 1 8】

図 1 8 は第 3 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図であり、露光工程における突起部形成領域の模式的断面図である。

【図 1 9】

図 1 9 は第 3 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図であり、透過率の低い材料からなるパターンを用いて突起部を形成する方法を示す図である。

【図 2 0】

図 2 0 は第 4 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図であり、露光工程における模式的断面図である。

【図 2 1】

図 2 1 は図 2 0 の突起部形成領域を拡大して示す図である。

【図 2 2】

図 2 2 は第 5 の実施の形態の液晶表示装置の断面図である。

【図 2 3】

図 2 3 はカラーフィルタの厚さとスペーサの高さとの関係を示す図である。

【図 2 4】

図 2 4 は第 5 の実施の形態の C F 基板の製造方法を示す図（その 1）である。

【図 2 5】

図 2 5 は第 5 の実施の形態の C F 基板の製造方法を示す図（その 2）である。

【図 2 6】

図 2 6 は第 6 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図である。

【図 2 7】

図 2 7 はカラーフィルタとなるフォトレジストの露光工程を示す模式図である。

【図 2 8】

図 2 8 はカラーフィルタを積層して構成されたブラックマトリクスの一般的な例を示す図である。

【図 2 9】

図 2 9 は第 7 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す断面図である。

【図 3 0】

図 3 0 は同じくその C F 基板の製造方法を示す平面図である。

【図 3 1】

図 3 1 は第 7 の実施の形態を示す図であり、画素部のエッジを決めるカラーフィルタのエッジを示す図である。

【図 3 2】

図 3 2 は第 7 の実施の形態のうち、紫外線吸収膜を形成した基板を用いた例を示す図である。

【図 3 3】

図 3 3 は第 8 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す断面図である。

【図 3 4】

図 3 4 は同じくその C F 基板の製造方法を示す平面図である。

【図 3 5】

図 3 5 は第 8 の実施の形態を示す図であり、画素部のエッジを決めるカラーフ

ィルタのエッジを示す図（その１）である。

【図 3 6】

図 3 6 は第 8 の実施の形態を示す図であり、画素部のエッジを決めるカラーフ  
ィルタのエッジを示す図（その 2）である。

【図 3 7】

図 3 7 は第 9 の実施の形態の液晶表示装置の模式的平面図である。

【図 3 8】

図 3 8 は同じくその液晶表示装置のブラックマトリクスに沿った位置における  
断面図である。

【図 3 9】

図 3 9 は圧縮荷重に対するセルギャップの変化を計算した結果を示す図である

【図 4 0】

図 4 0 は第 9 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す断面図  
（その 1）である。

【図 4 1】

図 4 1 は第 9 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す断面図  
（その 2）である。

【図 4 2】

図 4 2 はカラーフィルタの上にノボラック樹脂膜を形成してスペーサとした液  
晶表示装置を示す図である。

【図 4 3】

図 4 3 は図 4 2 の構造のスペーサの圧縮変位曲線を示す図である。

【図 4 4】

図 4 4 は圧縮荷重に対する樹脂スペーサの変位量を計算した結果を示す図であ  
る。

【図 4 5】

図 4 5 は第 1 0 の実施の形態の液晶表示装置の断面図である。

【図 4 6】

図 4 6 は第 1 0 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 4 7】

図 4 7 は第 1 0 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 4 8】

図 4 8 は第 1 1 の実施の形態の液晶表示装置の平面図である。

【図 4 9】

図 4 9 は同じくその液晶表示装置の断面図である。

【図 5 0】

図 5 0 は第 1 1 実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図（その 1）である。

【図 5 1】

図 5 1 は第 1 1 実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図（その 2）である。

【図 5 2】

図 5 2 は第 1 2 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図（その 1）である。

【図 5 3】

図 5 3 は第 1 2 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板の製造方法を示す図（その 2）である。

【図 5 4】

図 5 4 は第 1 2 の実施の形態の液晶表示装置の C F 基板を示す平面図（模式図）である。

【図 5 5】

図 5 5 はスペーサの荷重変位特性を示す図である。

【図 5 6】

図 5 6 はスペーサの分布密度を変えて高温だぶつき及び低温発泡の有無を調べた結果を示す図である。

【図 5 7】

図 5 7 は第 1 3 の実施の形態の液晶表示装置のセルギャップ保持用スペーサの例を示す図である。

【図 5 8】

図 5 8 は第 1 4 の実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板の断面図である。

【図 5 9】

図 5 9 は同じくその T F T 形成部近傍を拡大して示す図である。

【図 6 0】

図 6 0 は第 1 4 の実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 6 1】

図 6 1 は第 1 4 の実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 6 2】

図 6 2 は第 1 4 の実施の形態の変形例を示す図であり、青色画素の画素電極の下に絶縁膜を残し、赤色画素領域及び緑色画素領域の画素電極の下の絶縁膜を除去した例を示す図である。

【図 6 3】

図 6 3 は第 1 4 の実施の形態において、T F T のソース側の導電膜が露出するように絶縁膜をエッチングした例を示す図である。

【図 6 4】

図 6 4 は第 1 5 の実施の形態の液晶表示装置を示す断面図である。

【図 6 5】

図 6 5 は第 1 5 の実施の形態の液晶表示装置の T F T 基板の製造方法を示す断面図である。

【図 6 6】

図 6 6 は第 1 6 の実施の形態の液晶表示装置の液晶注入前の状態を示す平面図である。

【図 6 7】



図 6 7 は図 6 6 の D - D 線による断面図である。

【図 6 8】

図 6 8 は第 1 6 の実施の形態の液晶表示装置の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 6 9】

図 6 9 は第 1 6 の実施の形態の液晶表示装置の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 7 0】

図 7 0 は第 1 6 の実施の形態の液晶表示装置の製造方法を示す断面図（その 3）である。

【図 7 1】

図 7 1 は第 1 6 の実施の形態の液晶表示装置の製造方法を示す平面図（その 1）である。

【図 7 2】

図 7 2 は第 1 6 の実施の形態の液晶表示装置の製造方法を示す平面図（その 2）である。

【図 7 3】

図 7 3 は従来の M V A 型液晶表示装置の一例を示す断面図（模式図）である。

【図 7 4】

図 7 4 は図 7 3 に示す M V A 型液晶表示装置の電圧印加時の状態を示す断面図（模式図）である。

【図 7 5】

図 7 5 は従来の M V A 型液晶表示装置の他の例を示す断面図（模式図）である。

【符号の説明】

1 0, 1 0 1, 2 1 0, 2 2 0, 2 3 0, 3 1 0, 3 2 1, 4 1 0, 5 1 0 …  
T F T 基板、

1 1, 2 1, 2 2 1, 2 3 1, 2 4 1, 2 6 1, 3 1 1, 4 2 1, 5 1 1, 5  
2 1 … ガラス基板、

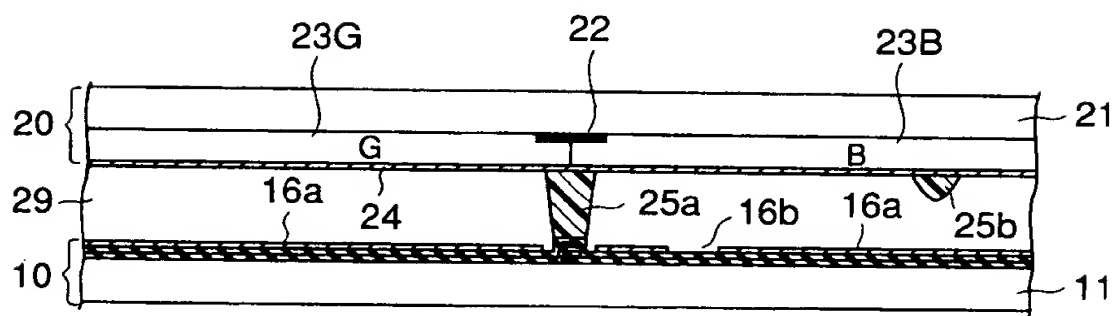
12a, 312…ゲートバスライン、  
13, 313…絶縁膜（ゲート絶縁膜）、  
14a…データバスライン、  
15, 318, 331…絶縁膜（最終保護膜）、  
16a, 216, 236, 319, 516…画素電極、  
16b, 516a…スリット（画素電極のスリット）  
17, 26, 217, 226, 237, 248…配向膜、  
18…TFT、  
18a, 314, 316…シリコン膜、  
18b…ソース電極、  
18c…ドレイン電極、  
20, 220, 240, 320, 420, 520…CF基板、  
22, 222, 242, 262, 342, 522…ブラックマトリクス、  
23R, 23G, 23B, 102R, 102G, 102B, 223R, 223G, 223B, 243R, 243G, 243B, 263R, 263G, 263B, 323R, 323G, 323B, 343R, 343G, 343B, 423R, 423G, 423B, 523…カラーフィルタ、  
24, 103, 224, 245, 264, 324, 344, 424, 524…コモン電極、  
25, 42, 102…レジスト、  
25a, 25c, 25d, 41a, 42a, 225a, 225b, 225, 251, 252, 265a, 425c, 425d…スペーサ、  
25b, 41b, 42b, 246a, 247a…突起部、  
27, 28, 31, 32, 33, 34…マスク、  
29, 219, 259, 329, 529…液晶、  
32a…開口部、  
106…露光機のステージ、  
228…ノボラック樹脂膜、  
225c, 225d, 246b, 247…樹脂膜、

2 6 5 …レジスト膜、  
3 1 8 …絶縁膜、  
3 1 4 …チャネル保護膜、  
3 1 7 …導電膜  
4 0 1 …表示領域、  
4 0 2 …遮光領域、  
4 0 3 …シール材、  
4 0 4 …液晶注入口、  
4 2 5 b …セルギャップ調整用スペーサ、  
4 2 5 c, 4 2 5 d …ギャップ保持用スペーサ、  
4 2 5 a, 5 1 7 …ドメイン規制用突起部。

【書類名】 図面

【図 1】

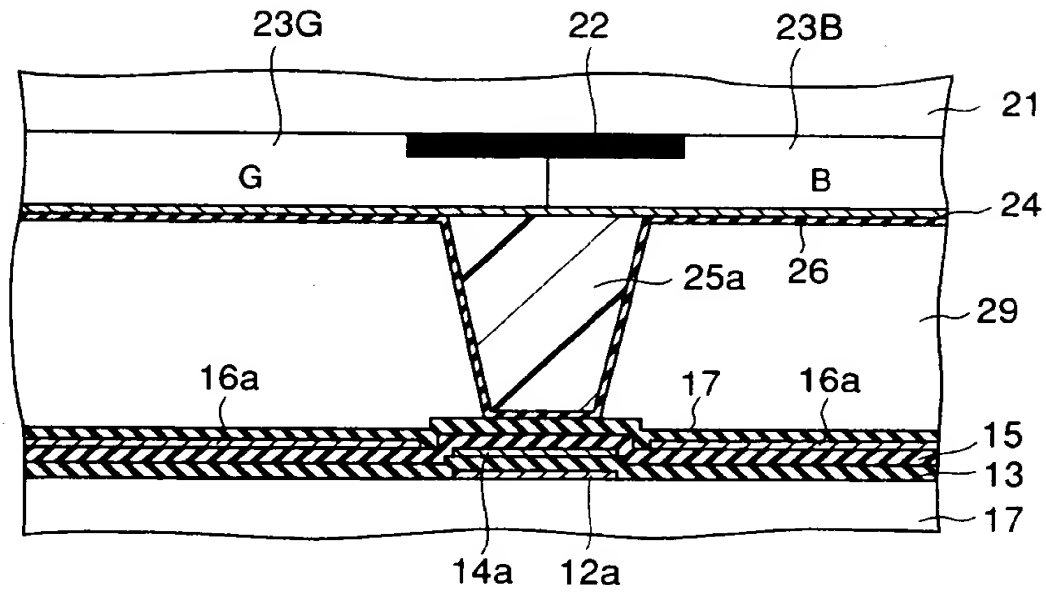
第1の実施の形態



10 : TFT基板  
20 : CF基板

25a : スペーサ  
25b : 突起部

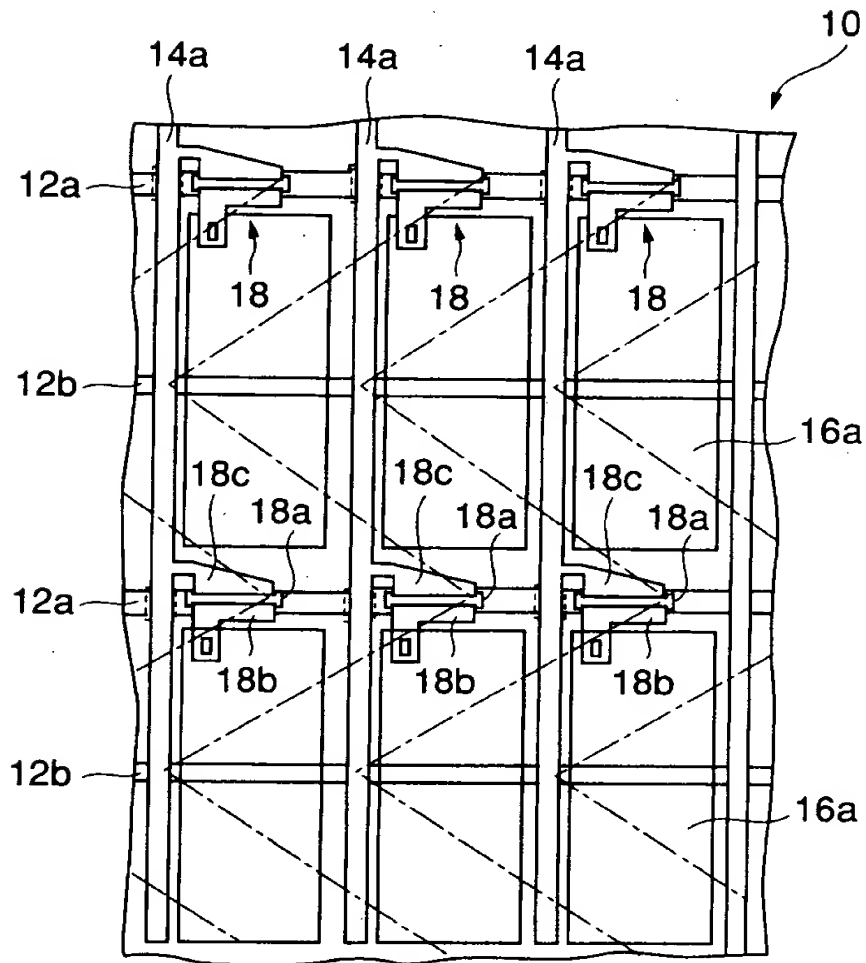
【図 2】



16a : 画素電極                      24 : コモン電極  
 23B, 23G : カラーフィルタ

【図 3】

第1の実施の形態の液晶表示装置のTFT 基板

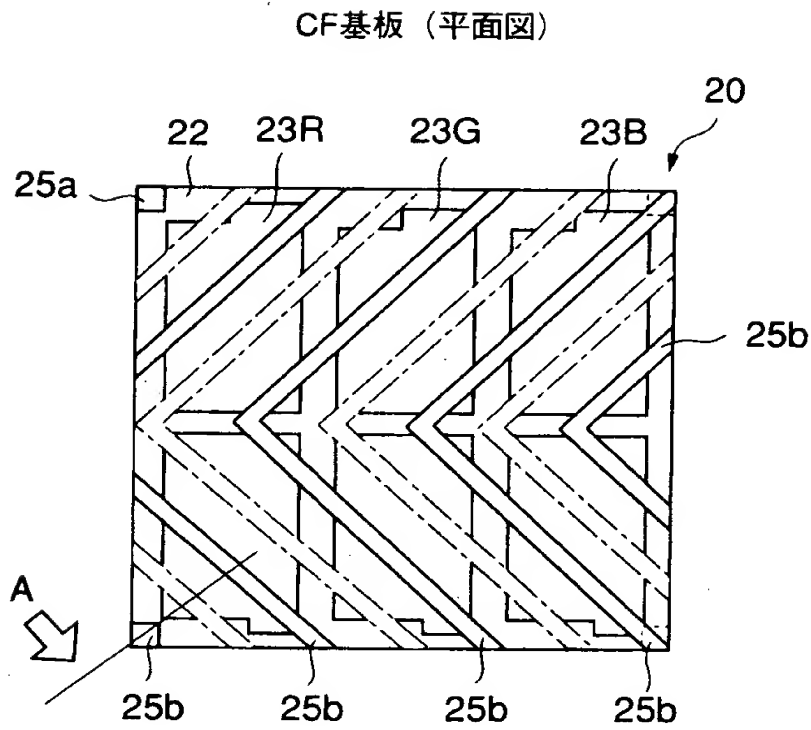


12a : ゲートバスライン

14a : データバスライン

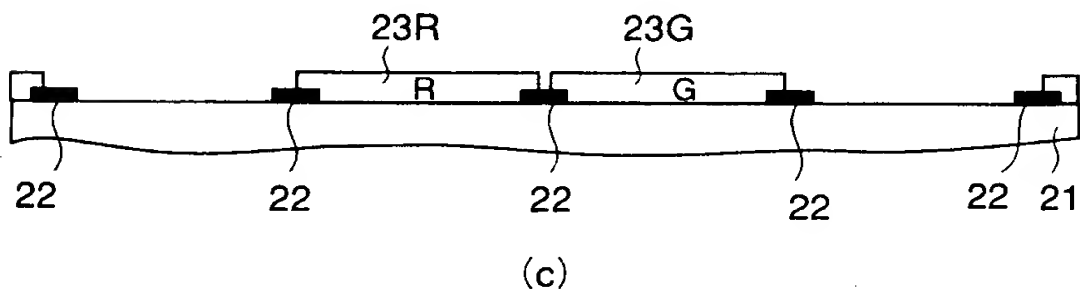
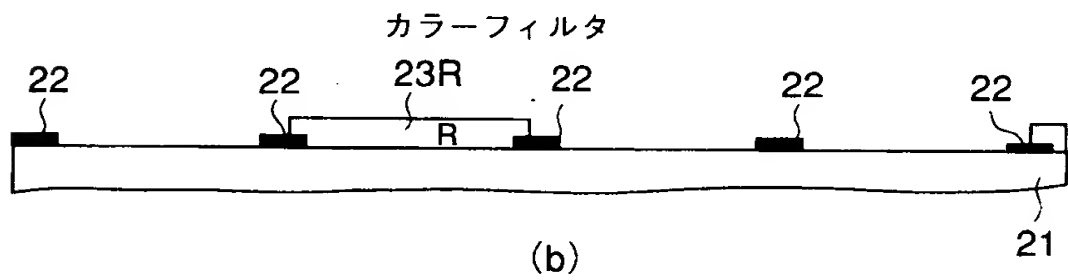
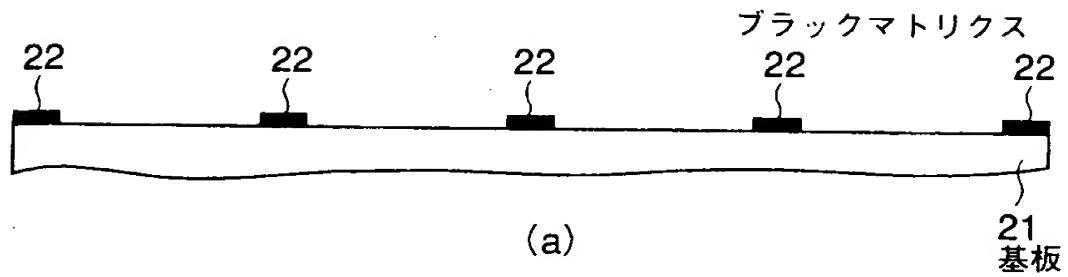
18 : TFT

【図4】



【図 5】

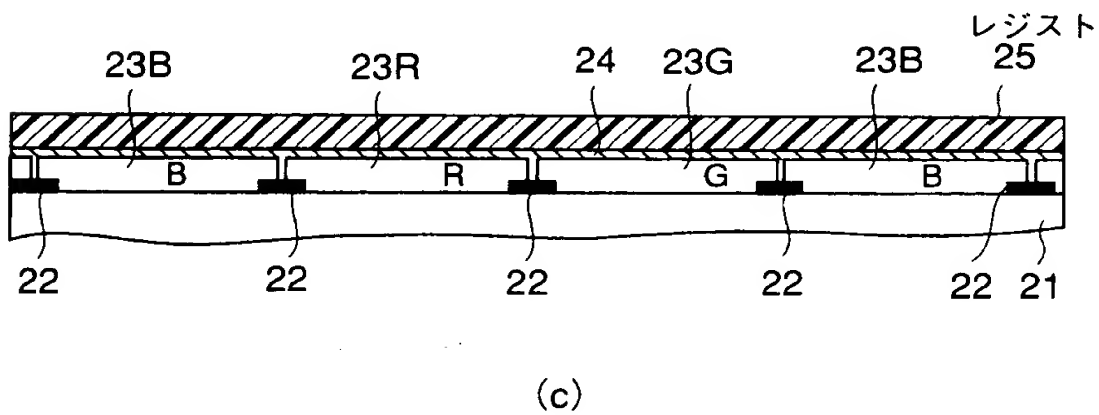
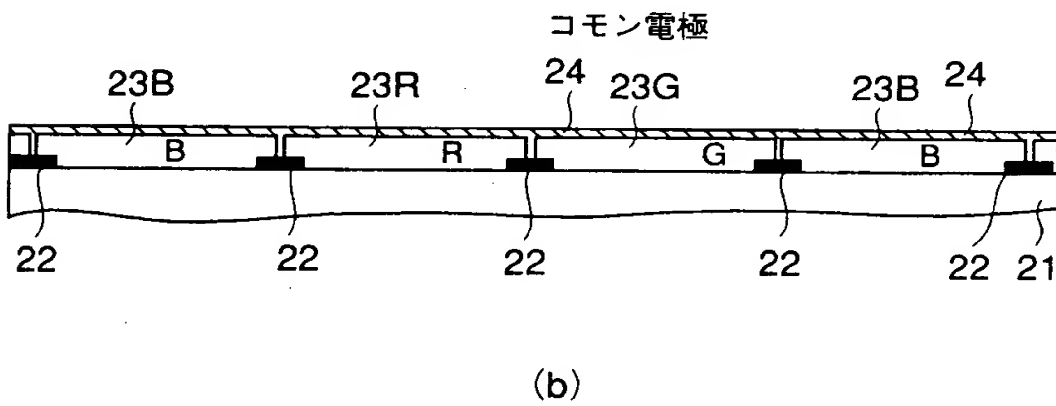
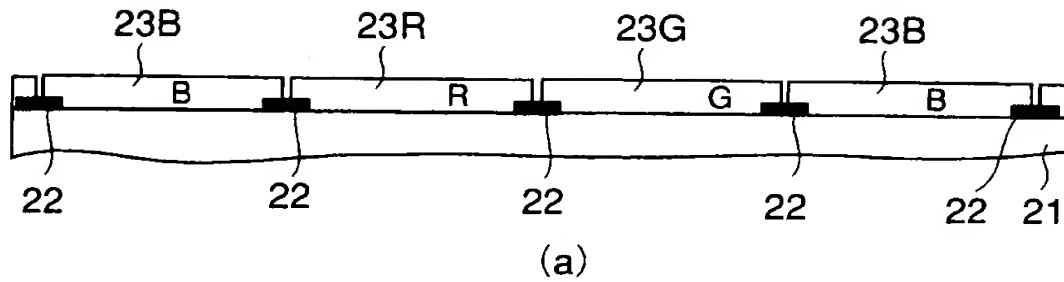
CF 基板の製造方法 (1)





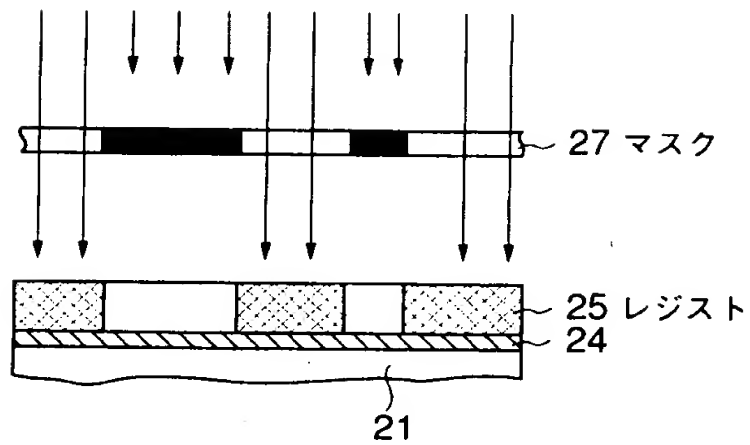
【図 6】

CF 基板の製造方法 (2)

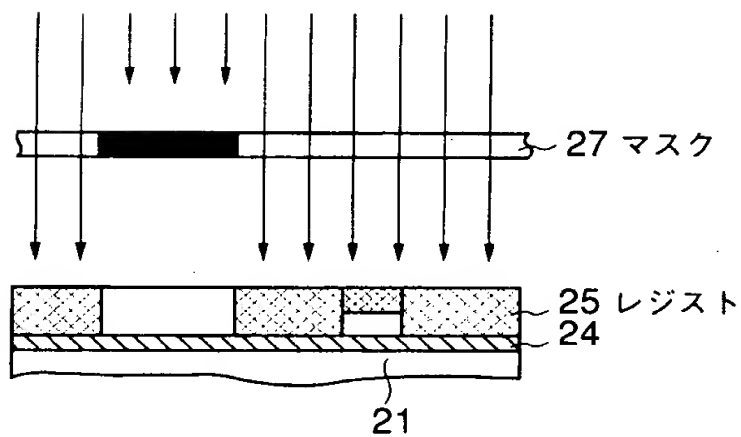


【図 7】

スペーサ及び突起部の形成方法

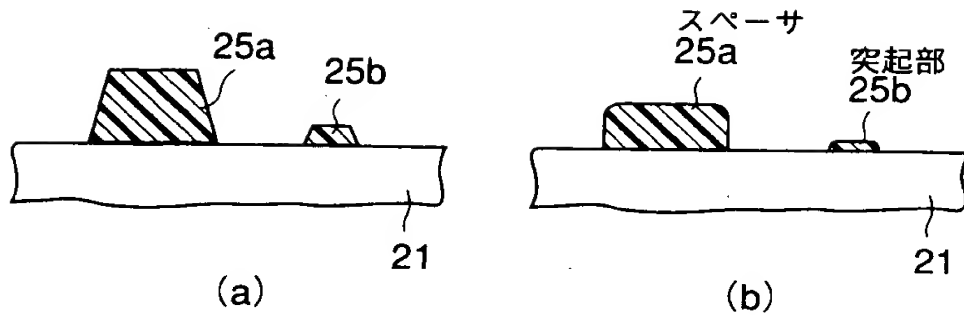


(a)

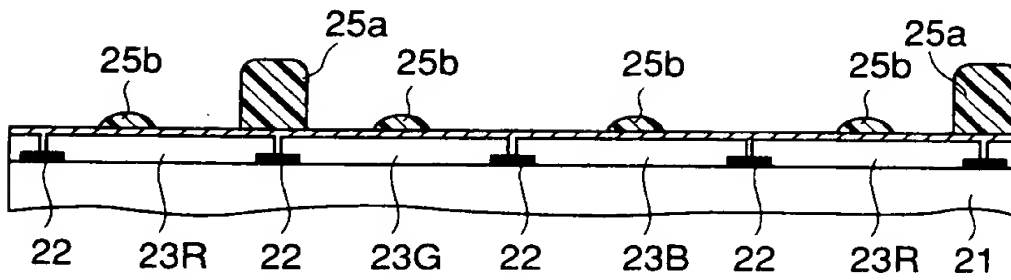


(b)

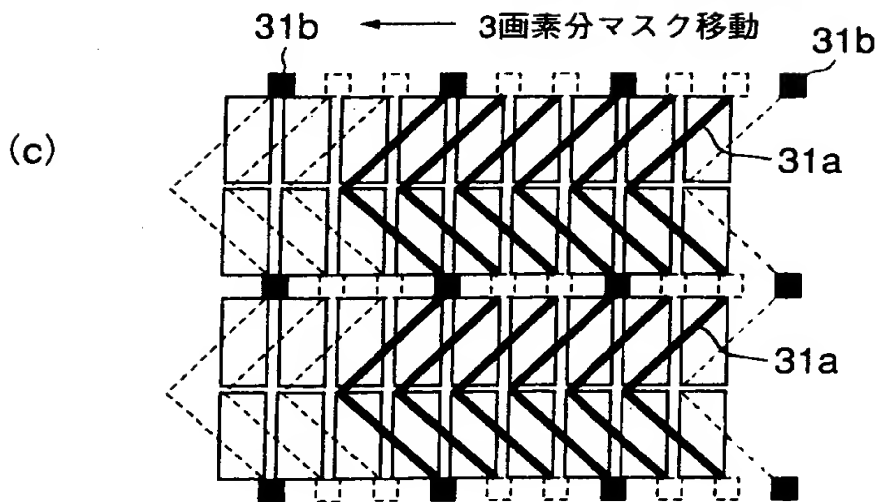
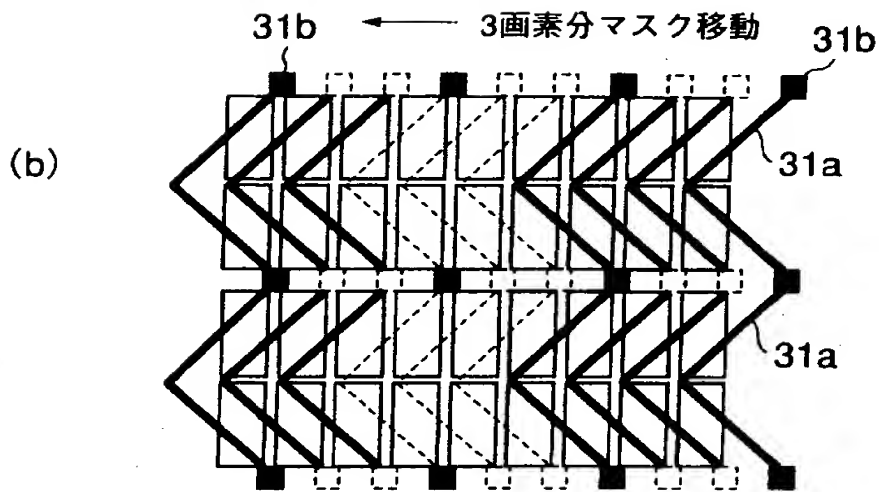
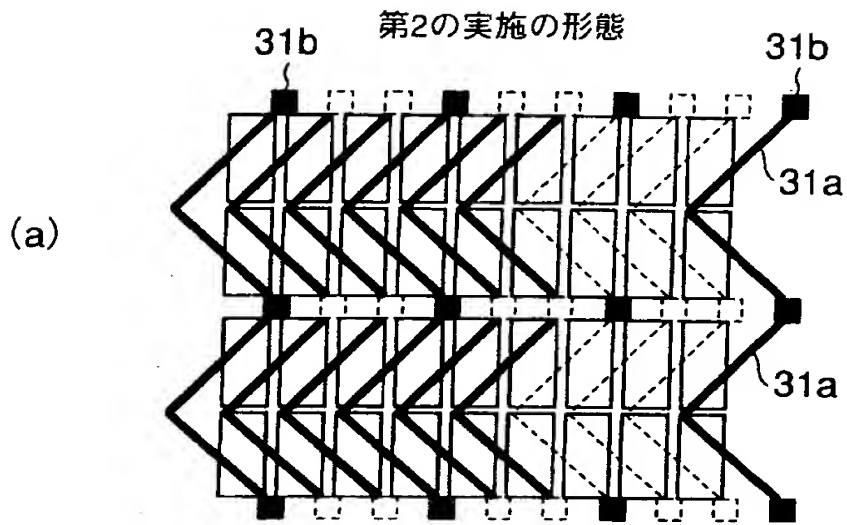
【図 8】



【図 9】

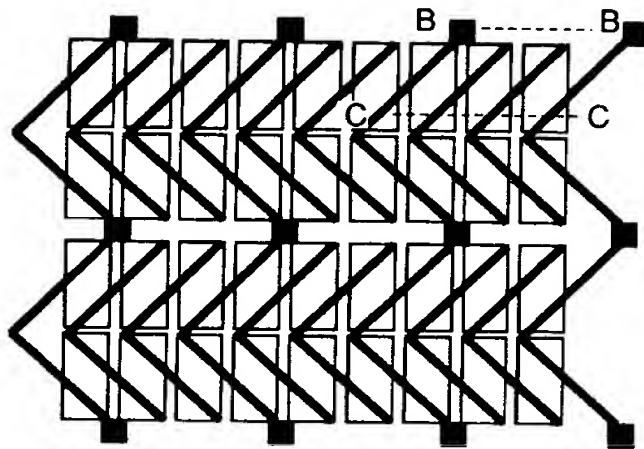


【図 10】

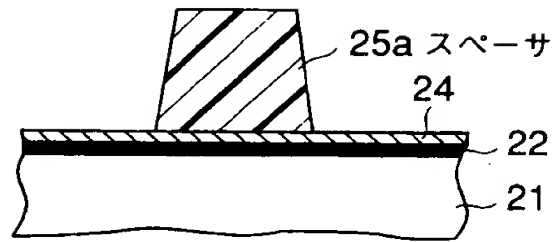


【図 1 1】

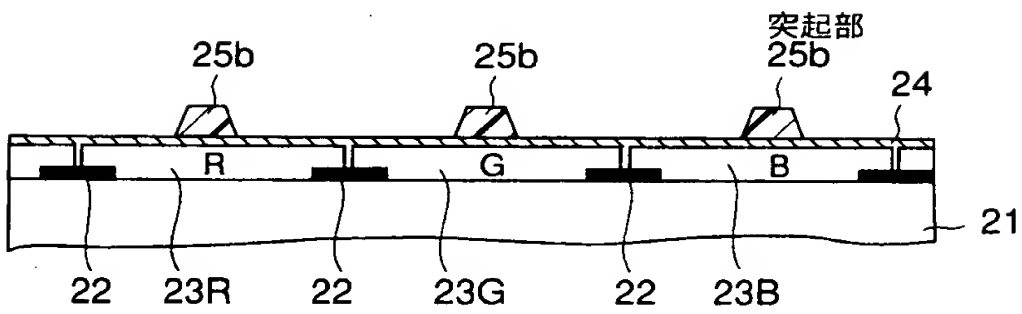
スペーサ及び突起部のパターン



【図 1 2】



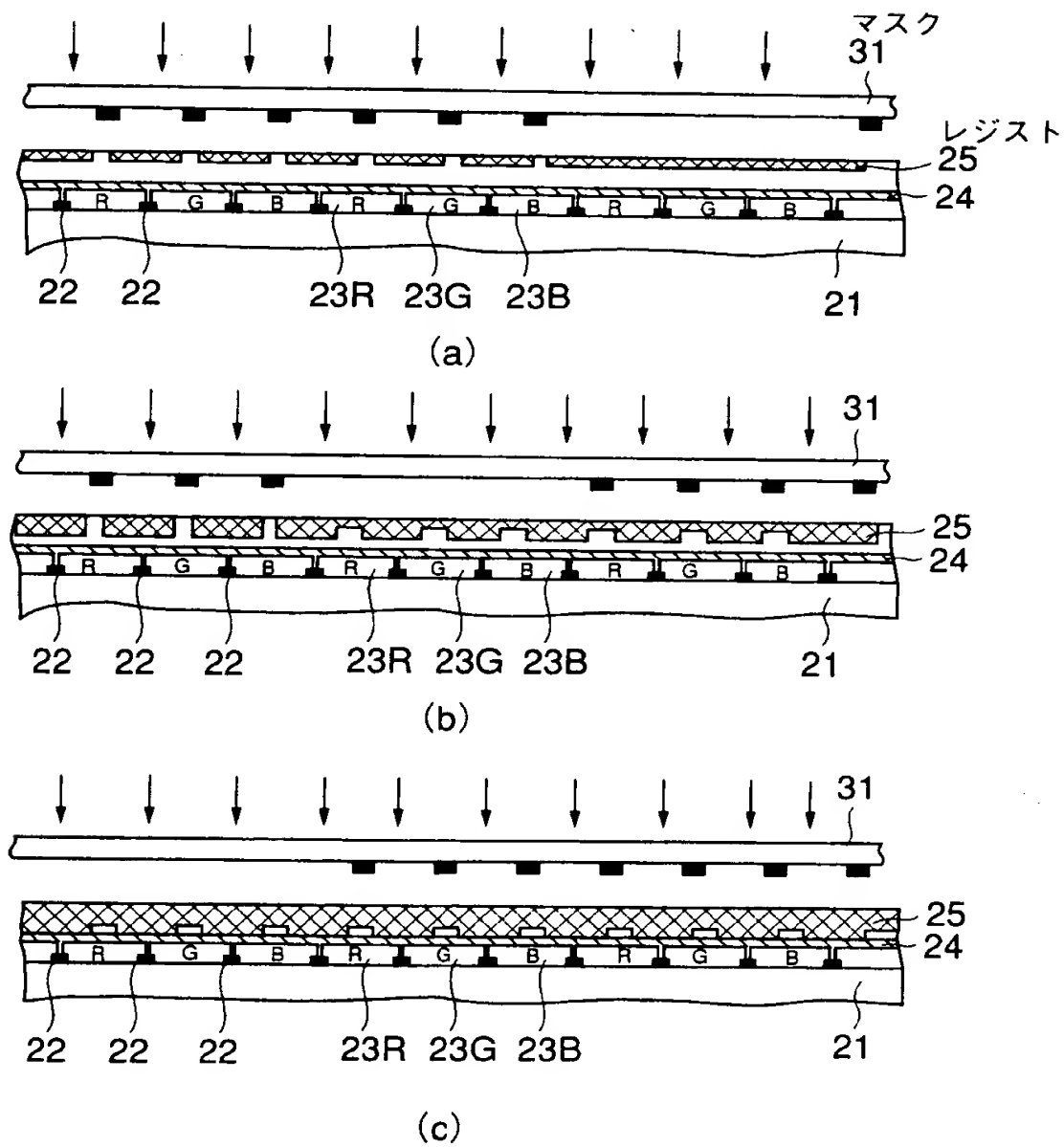
(a)



(b)

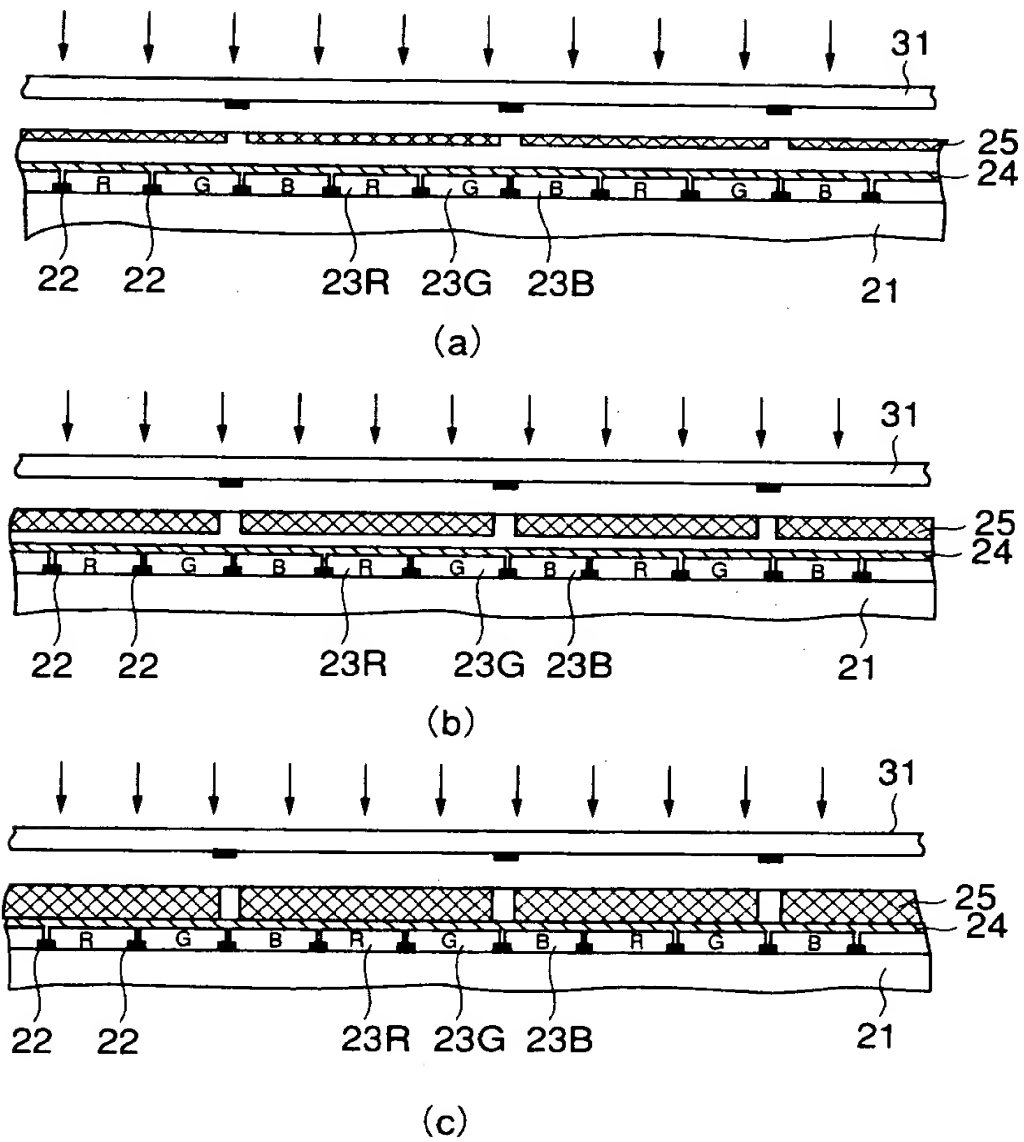
【図 13】

CF基板の製造方法 (1)



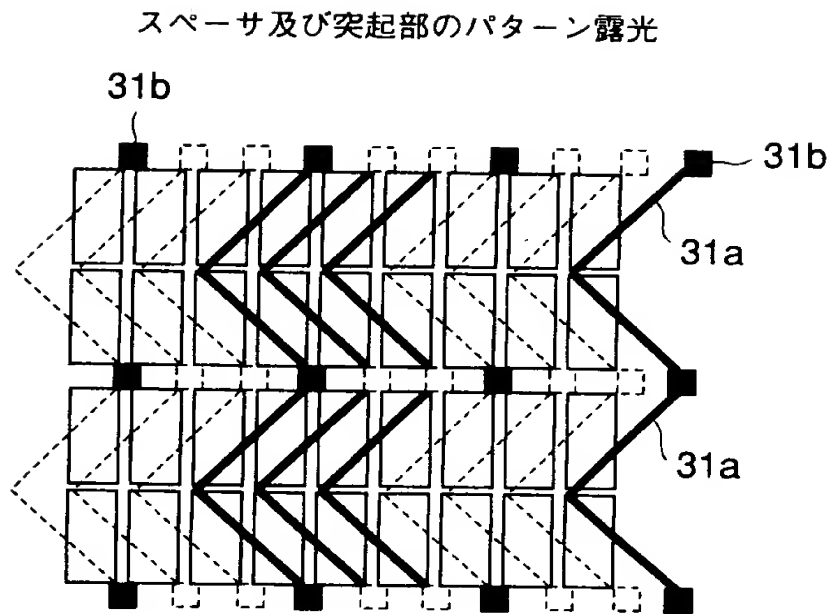
【図 14】

CF基板の製造方法 (2)



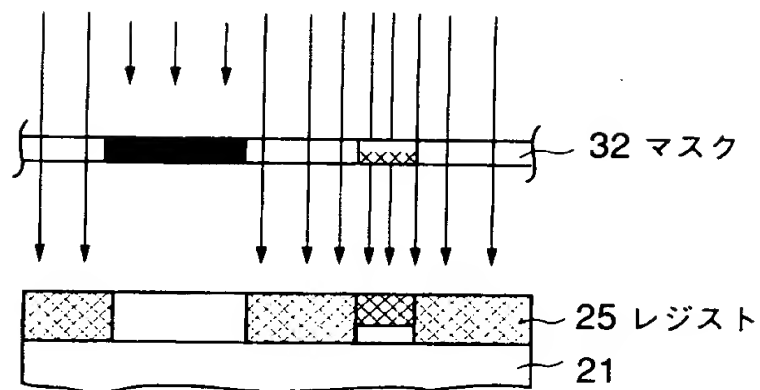


【図 1 5】

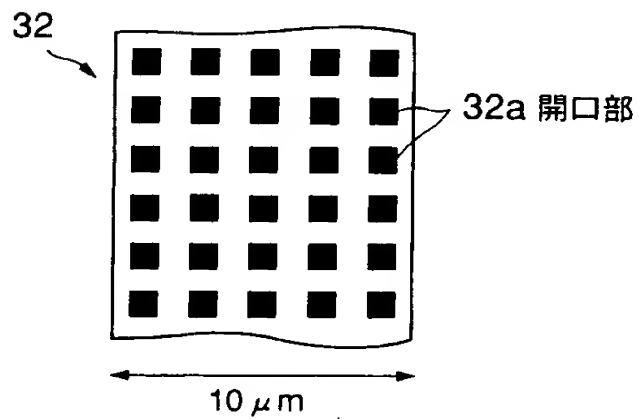


【図 1 6】

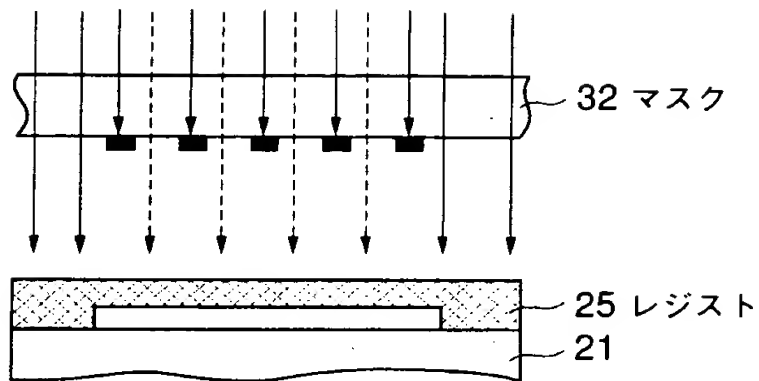
第3の実施の形態



【図 1 7】

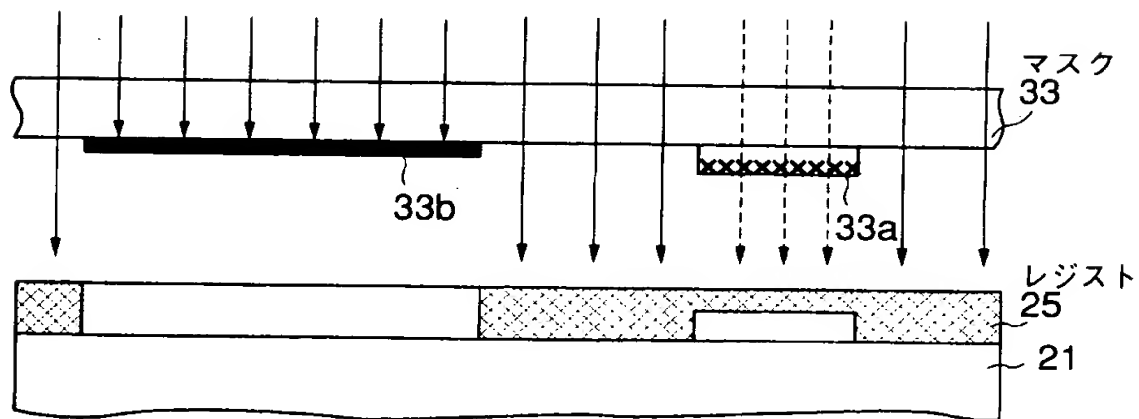


【図18】



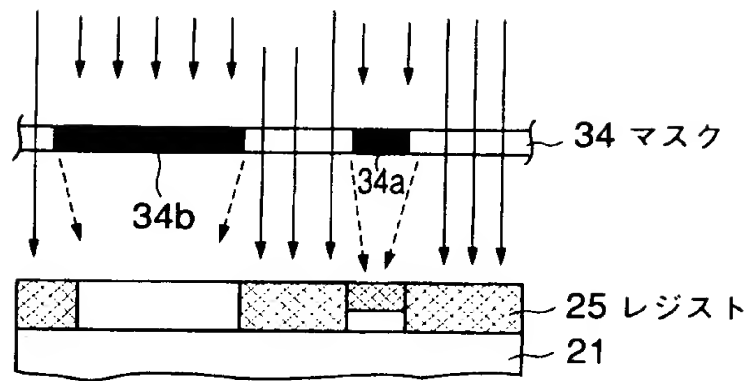
【図19】

スペーサ及び突起部パターンの露光

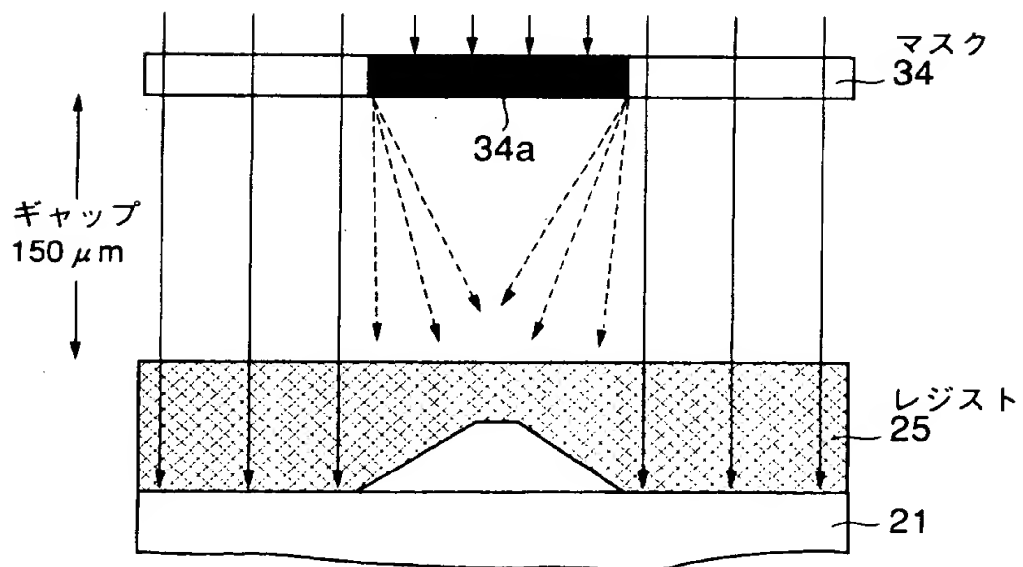


【図 20】

第4の実施の形態



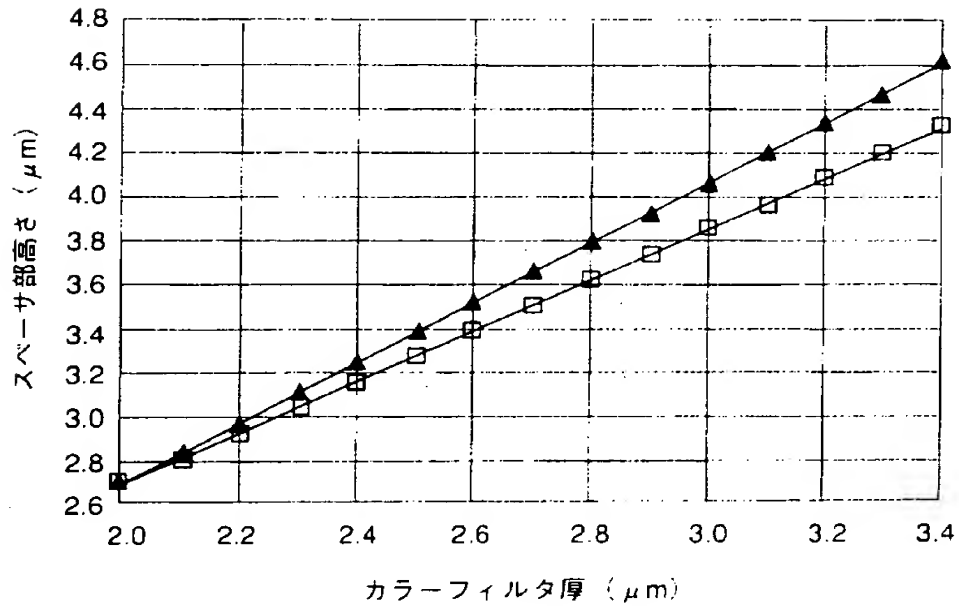
【図 21】





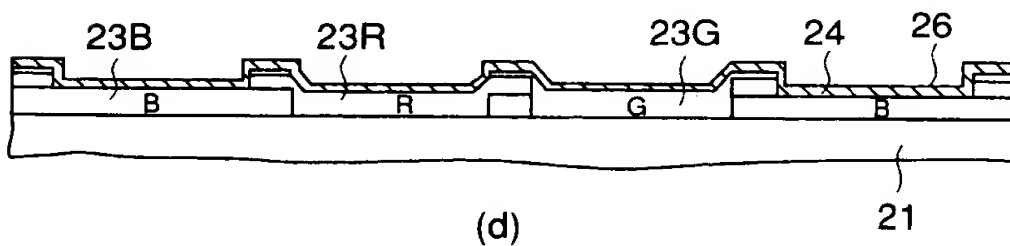
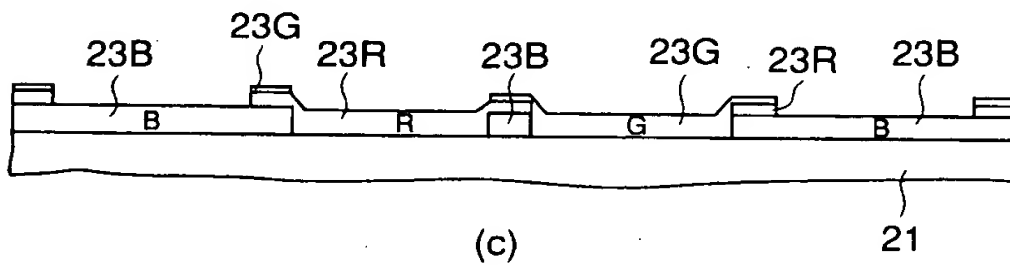
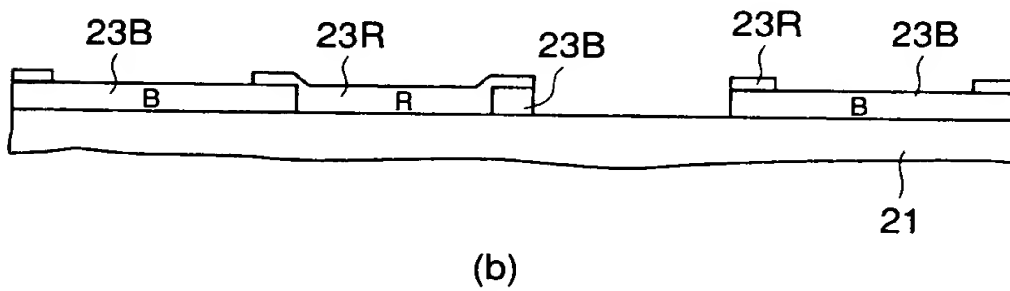
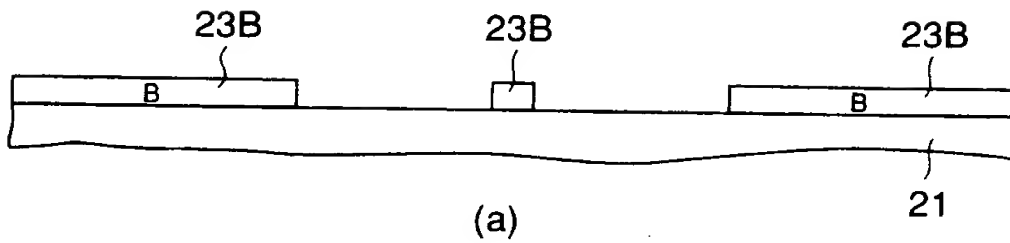
【図 23】

カラーフィルタの厚さとスペーサ部の高さ



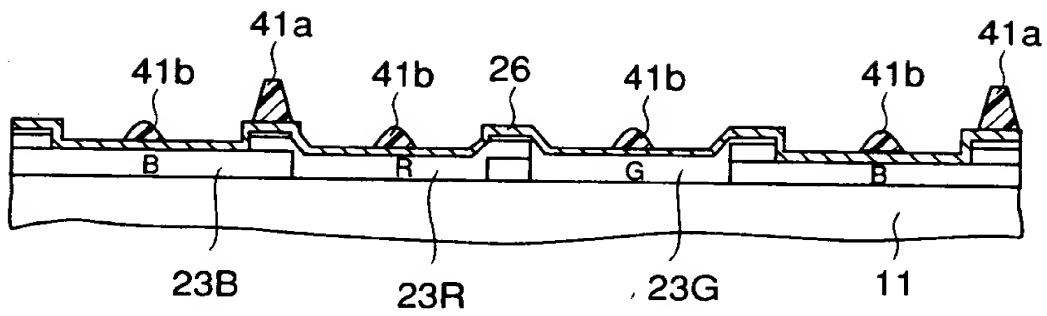
【図 2 4】

CF基板の製造方法 (1)



【図 2 5】

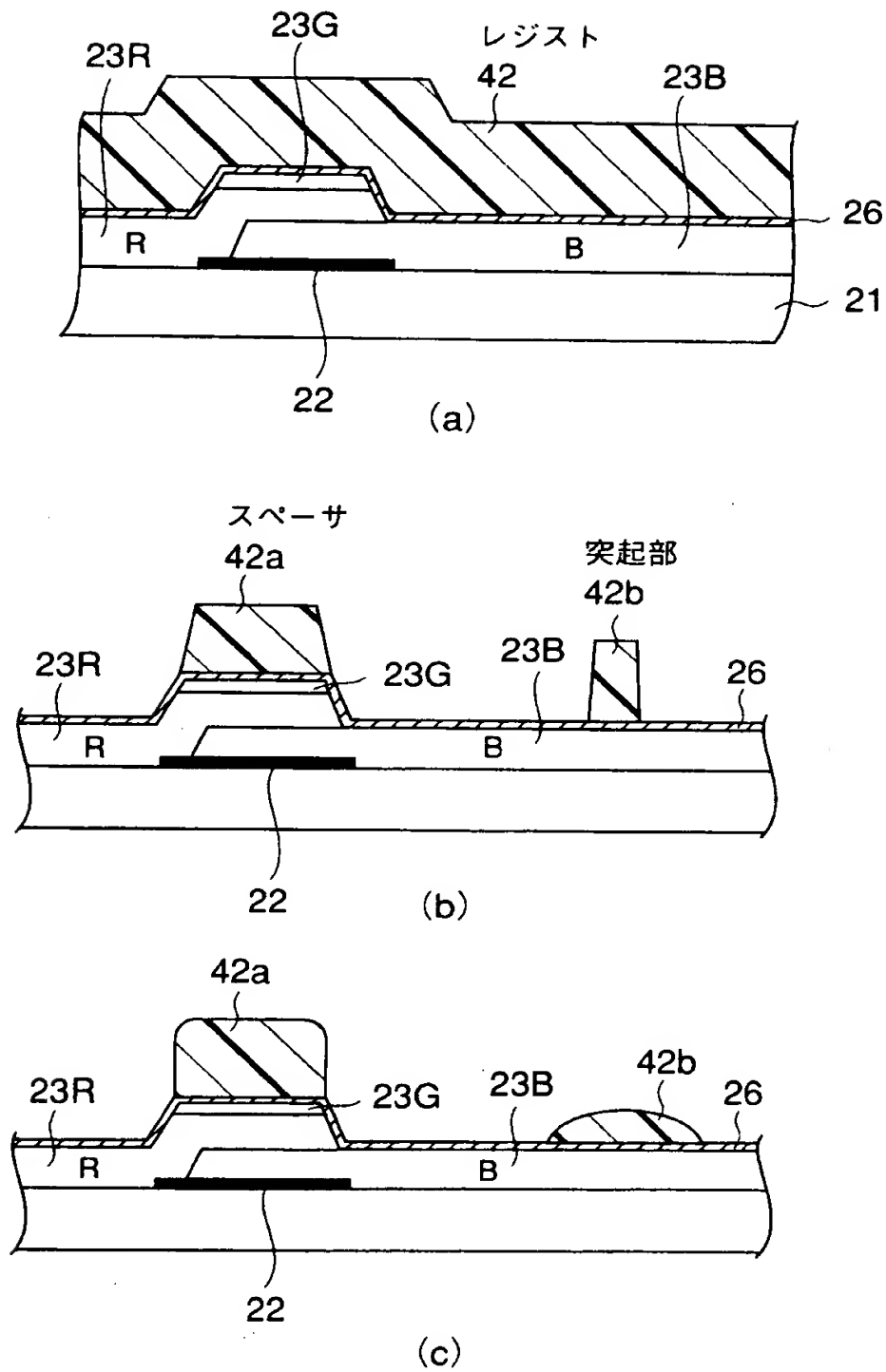
CF基板の製造方法 (2)



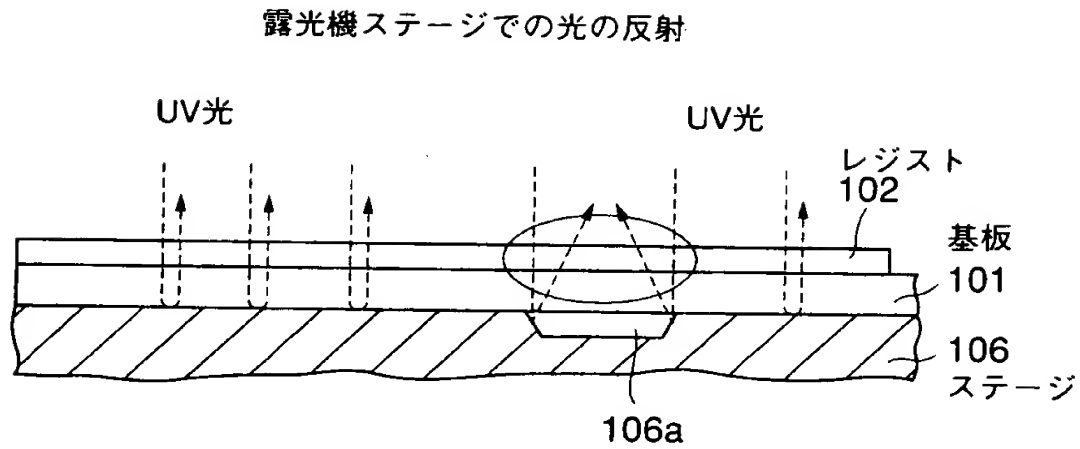


【図 26】

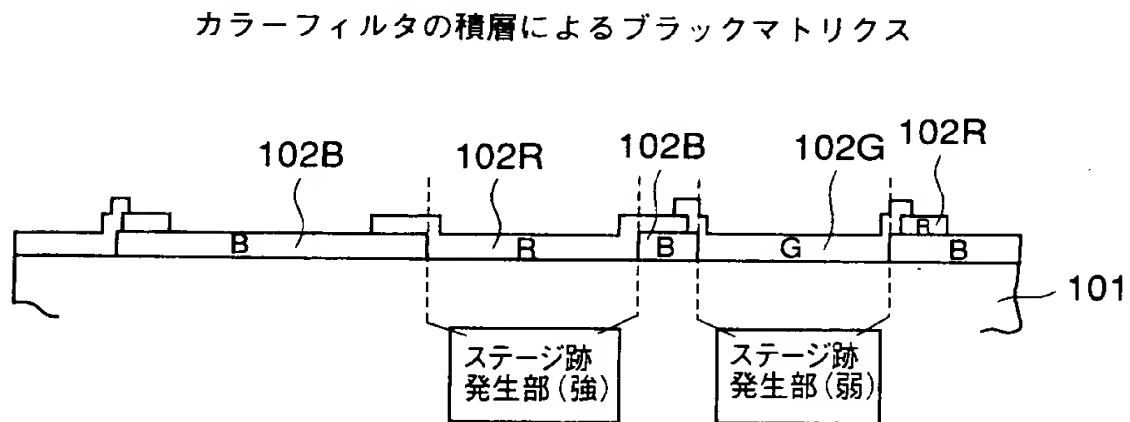
第6の実施の形態



【図 27】

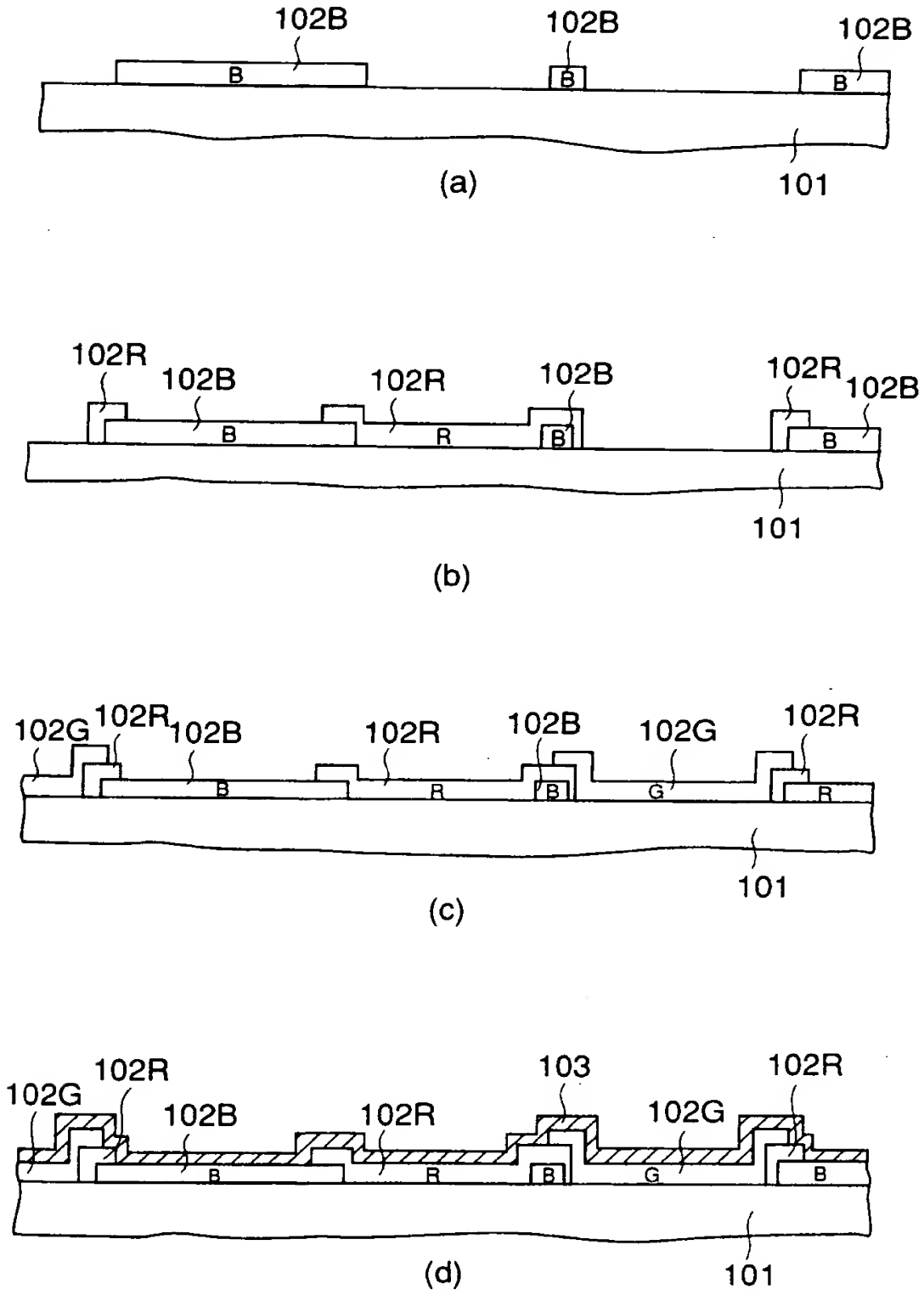


【図 28】



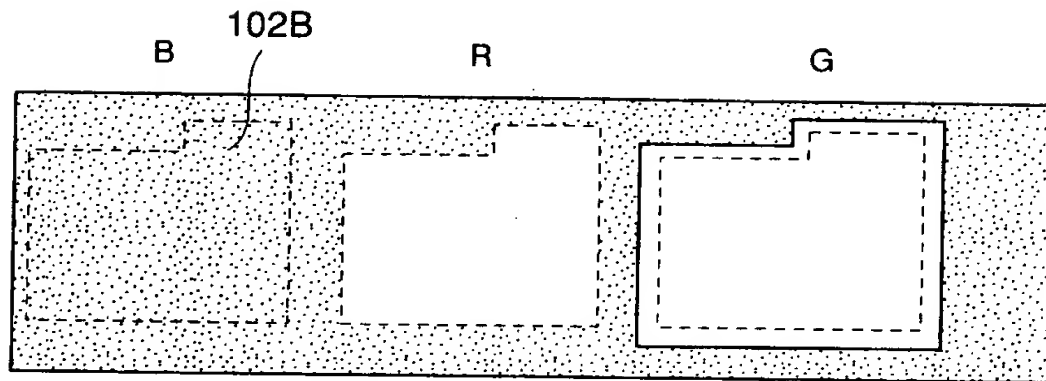
【図 29】

第7の実施の形態

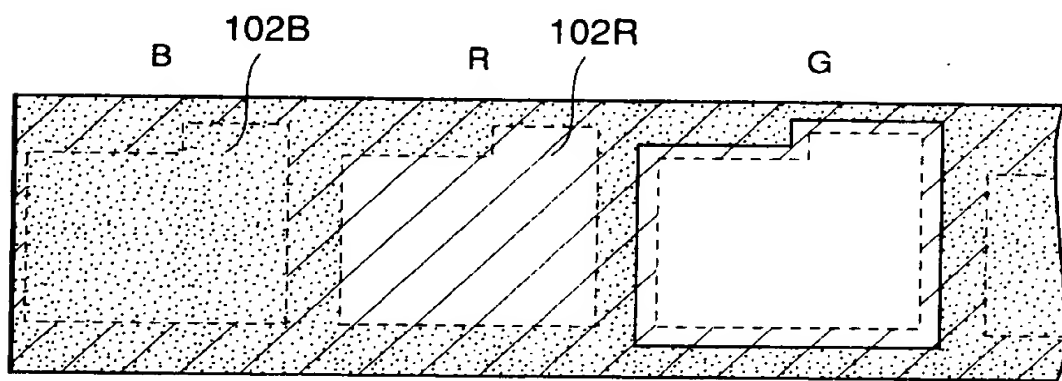


【図30】

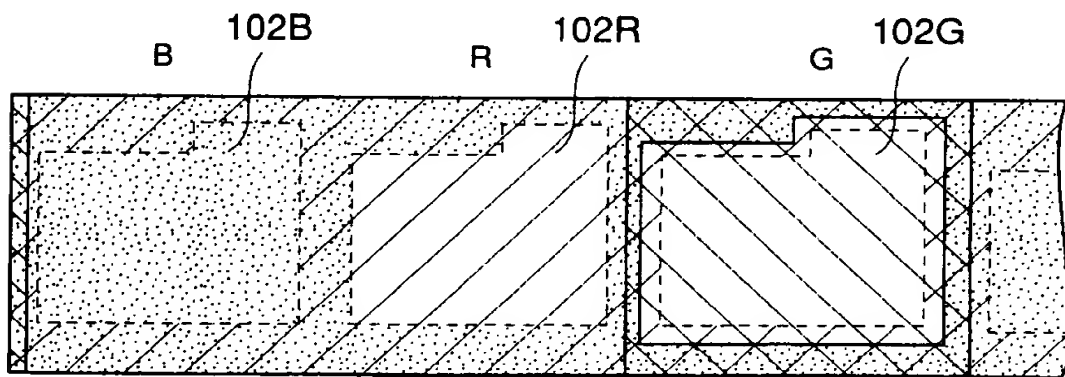
CF 基板の製造方法（平面図）



(a)

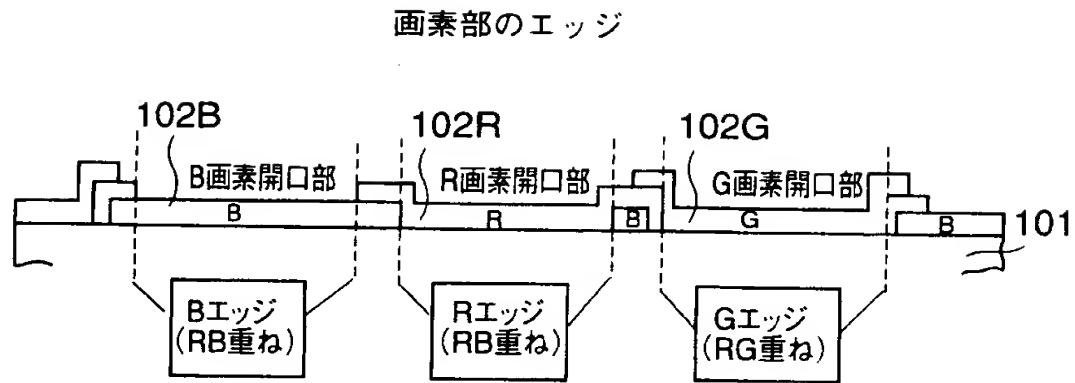


(b)

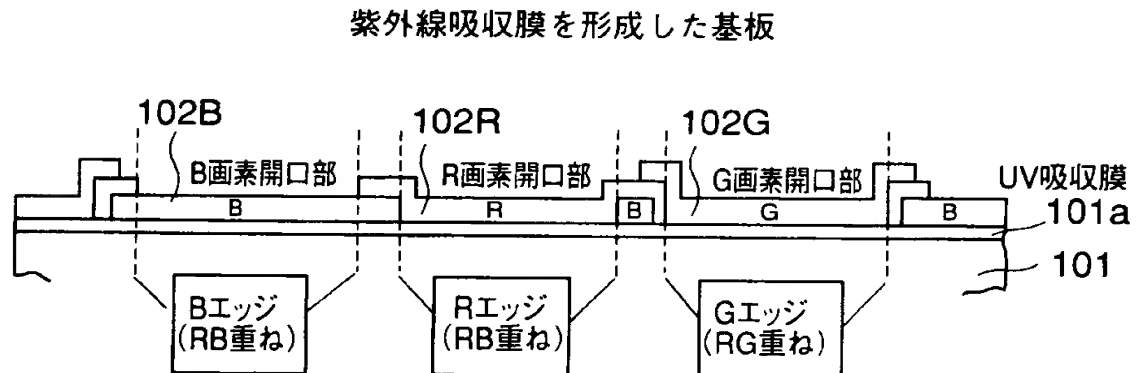


(c)

【図 3 1】

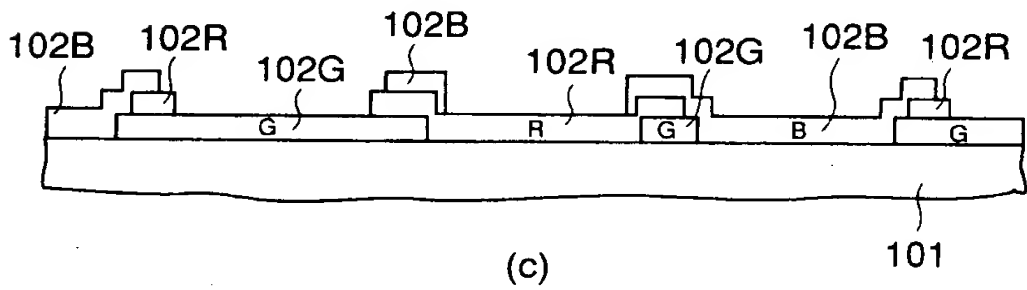
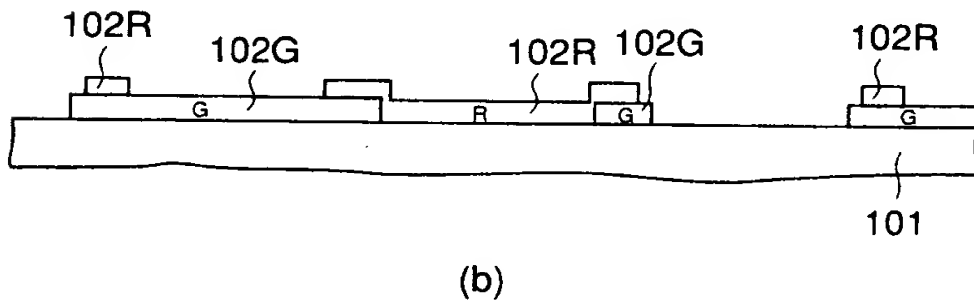
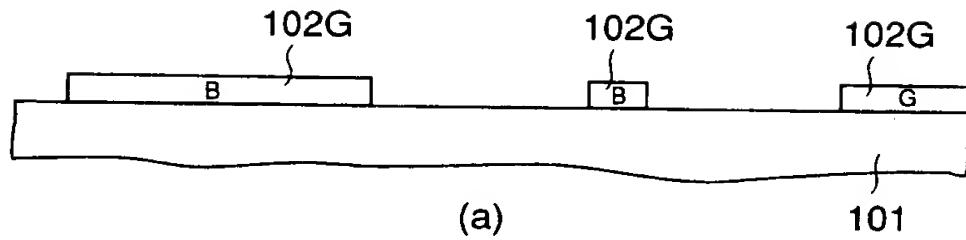


【図 3 2】



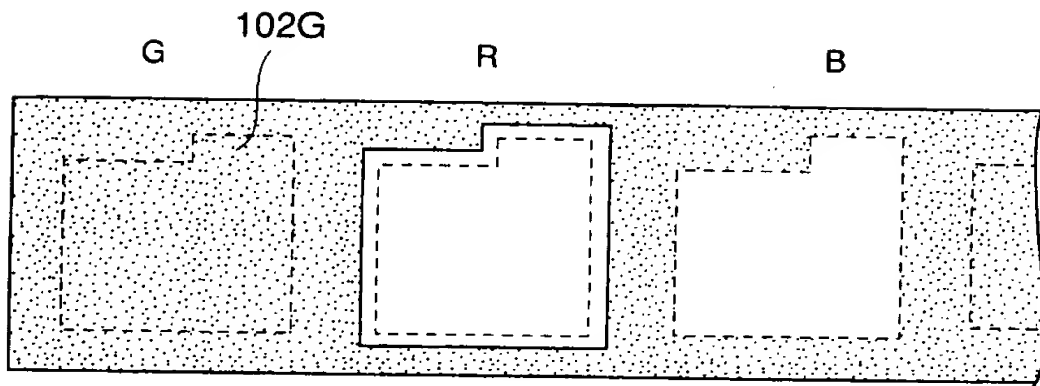
【図 3 3】

第8の実施の形態

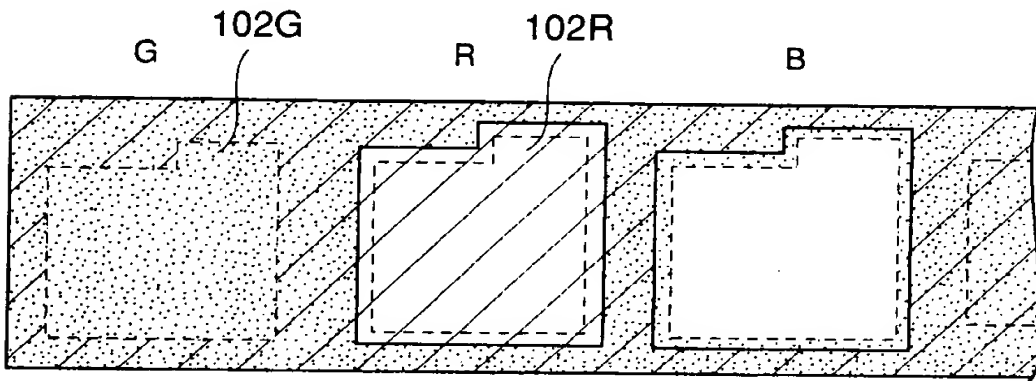


【図 3 4】

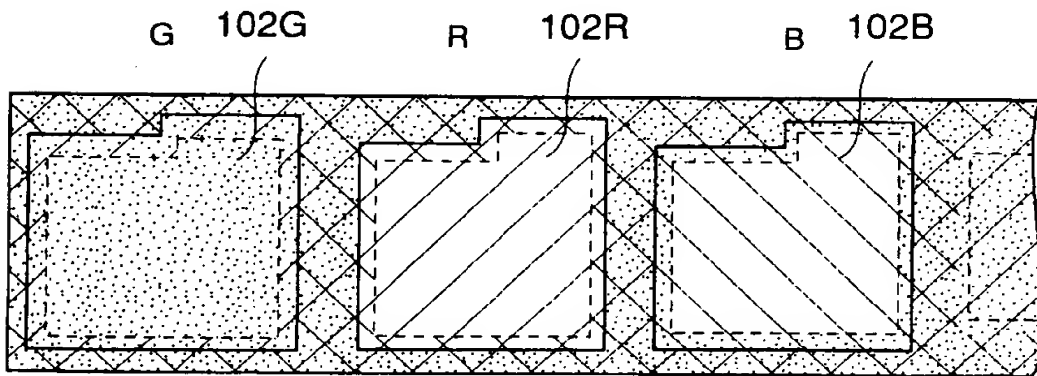
CF 基板の製造方法（平面図）



(a)



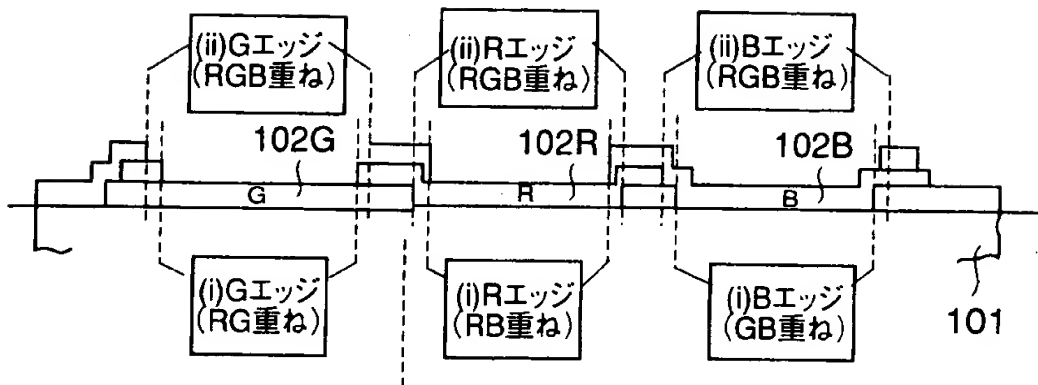
(b)



(c)

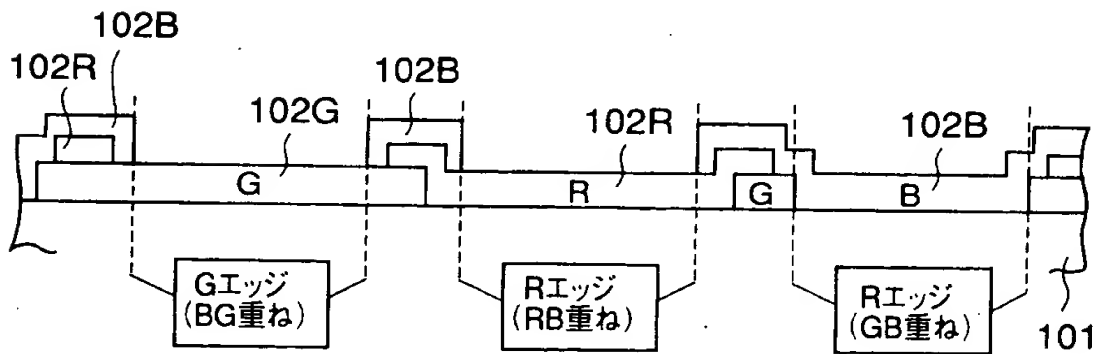
【図 3 5】

画素部のエッジ



【図 3 6】

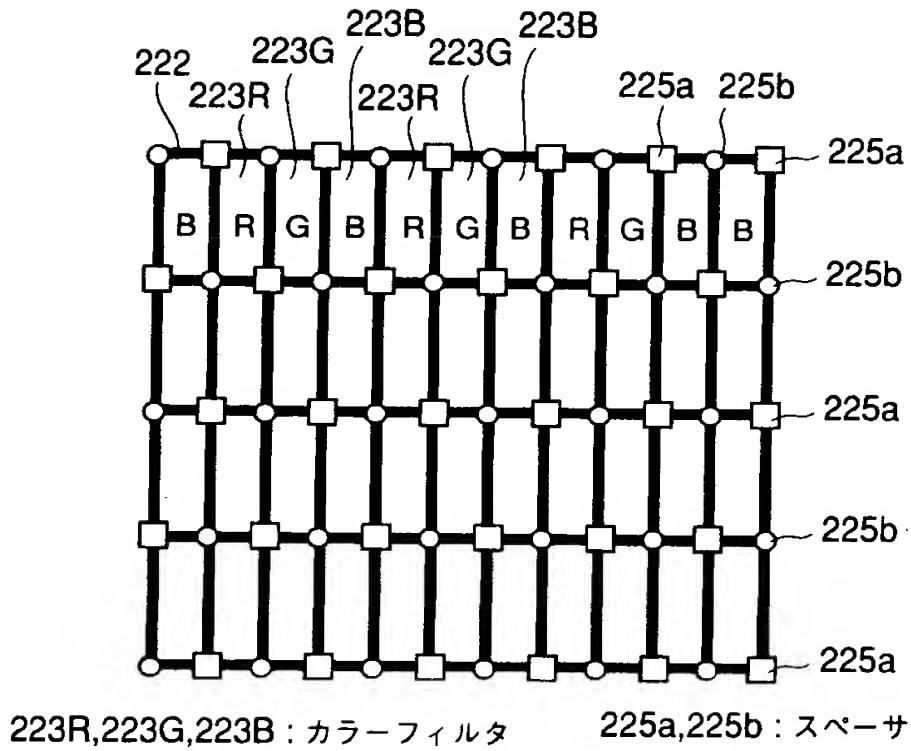
画素部のエッジ



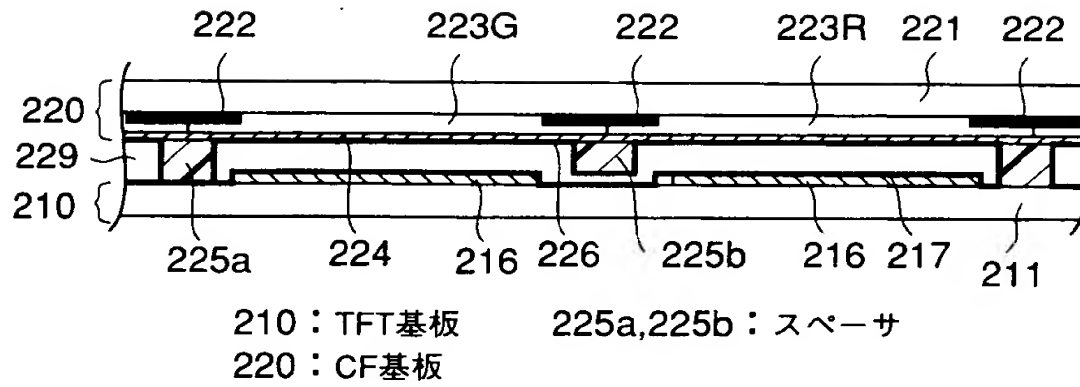


【図 3 7】

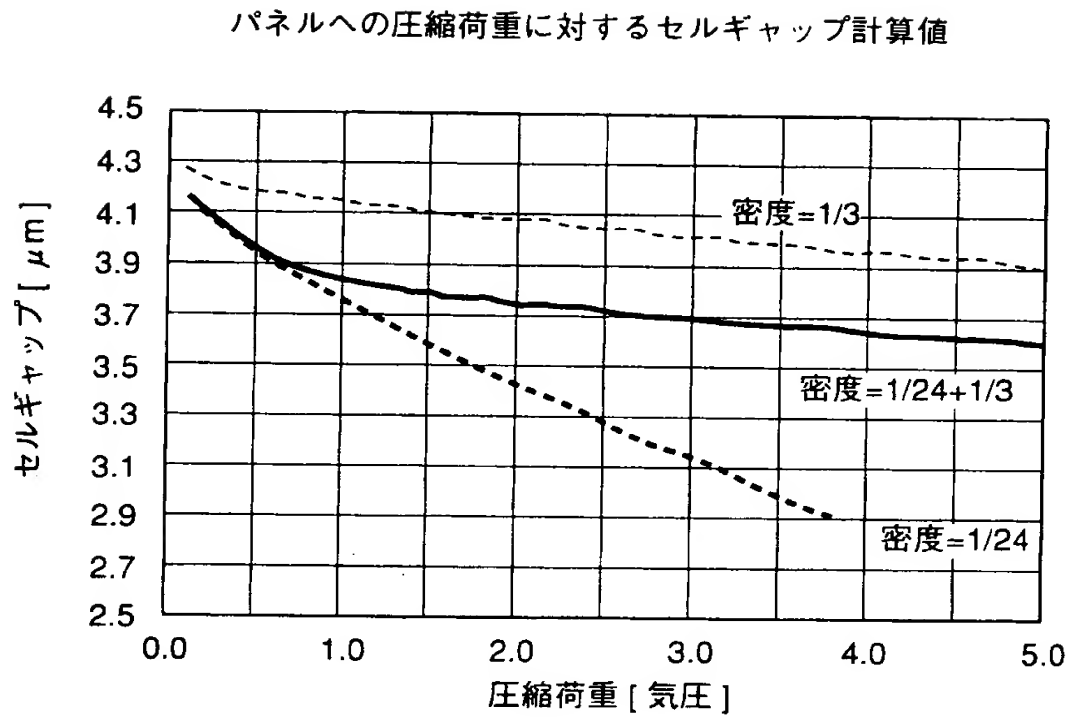
第9の実施の形態



【図 3 8】

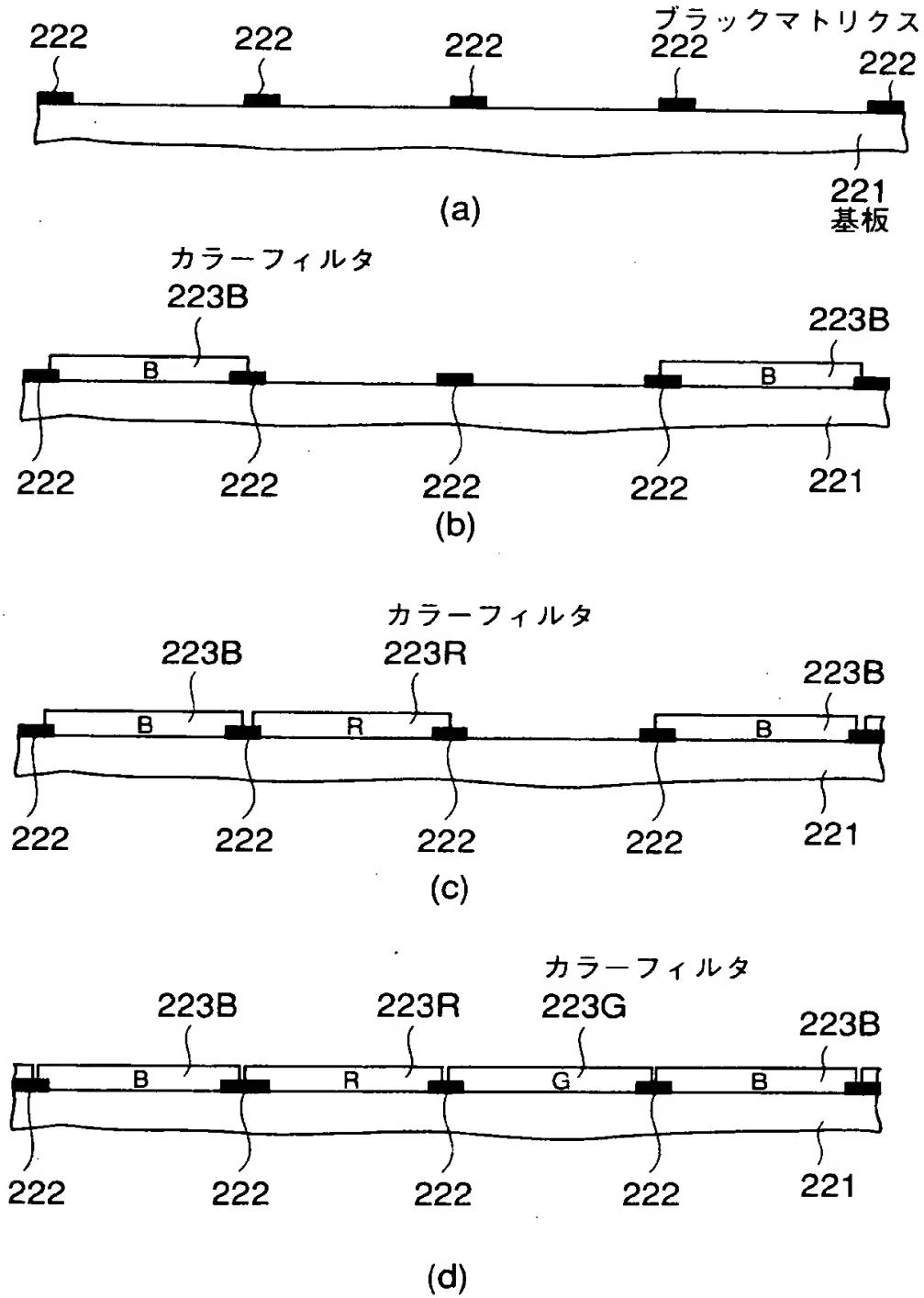


【図 39】



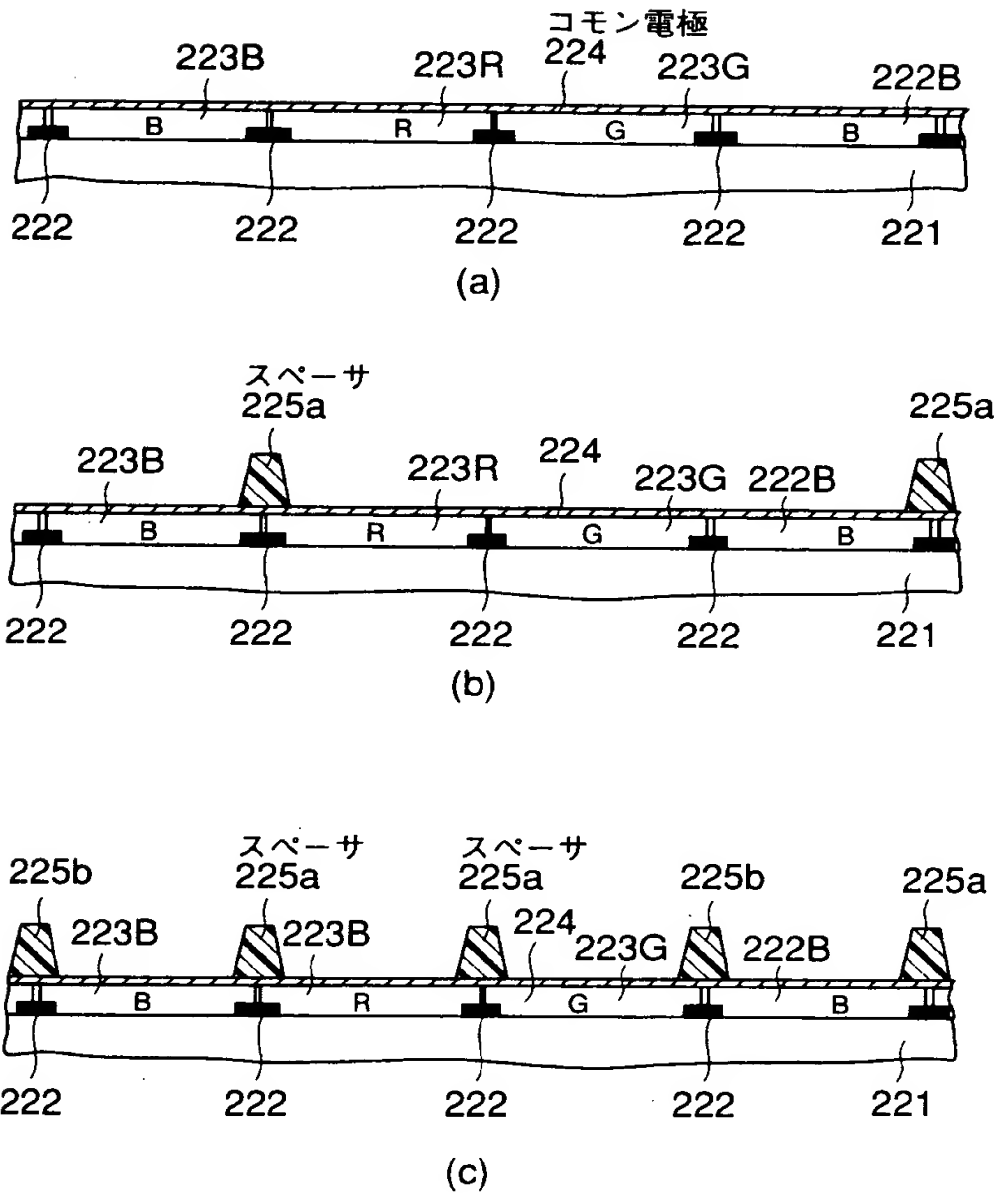
【図 40】

CF基板の製造方法 (1)

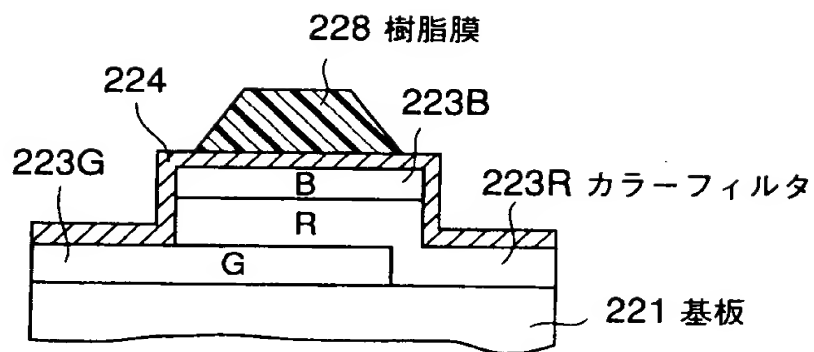


【図 4 1】

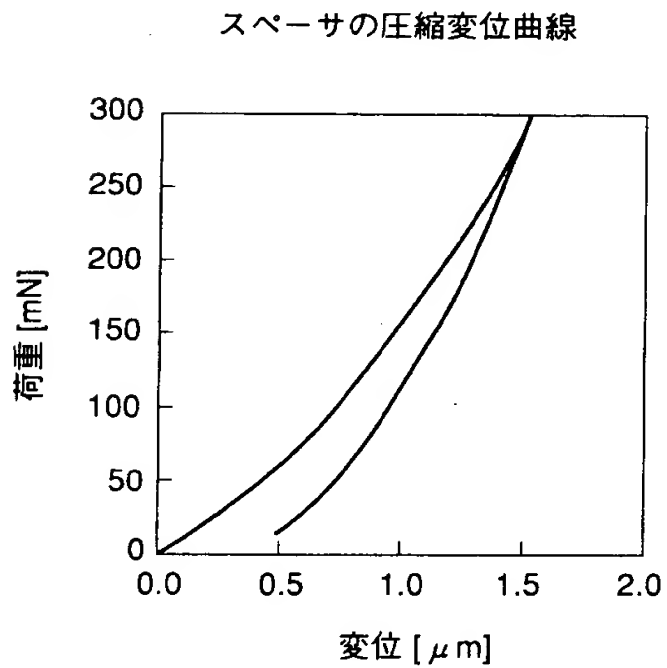
CF基板の製造方法 (2)



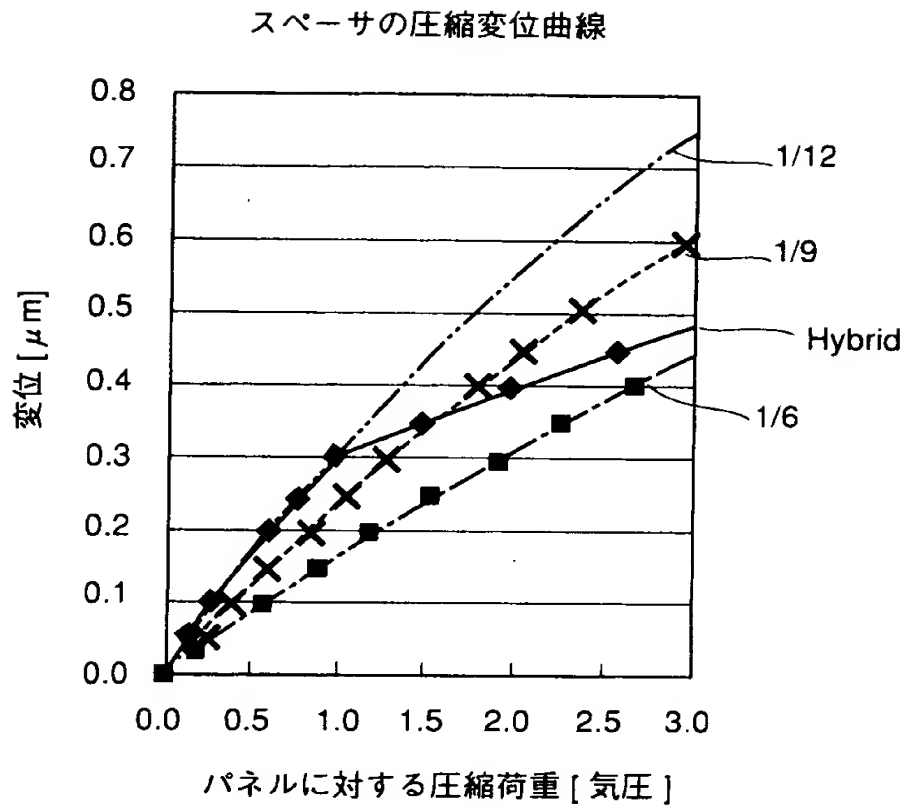
【図 4 2】



【図 4 3】

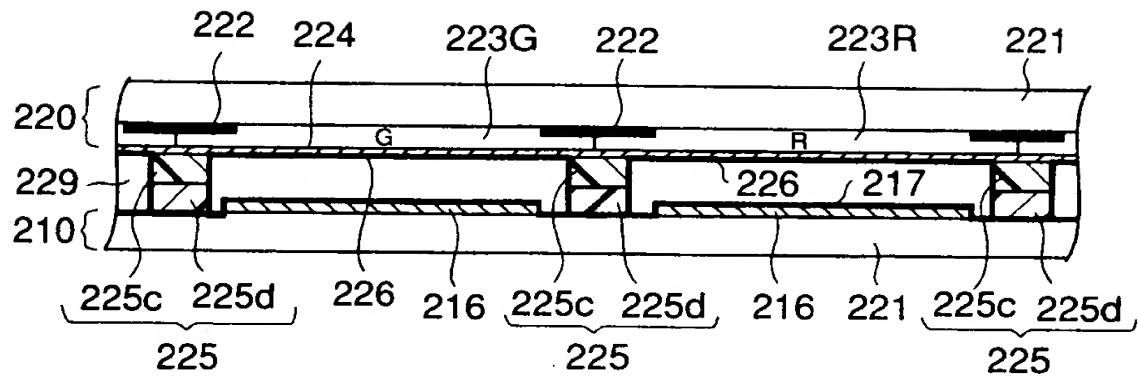


【図 4 4】



【図 4 5】

第10の実施の形態



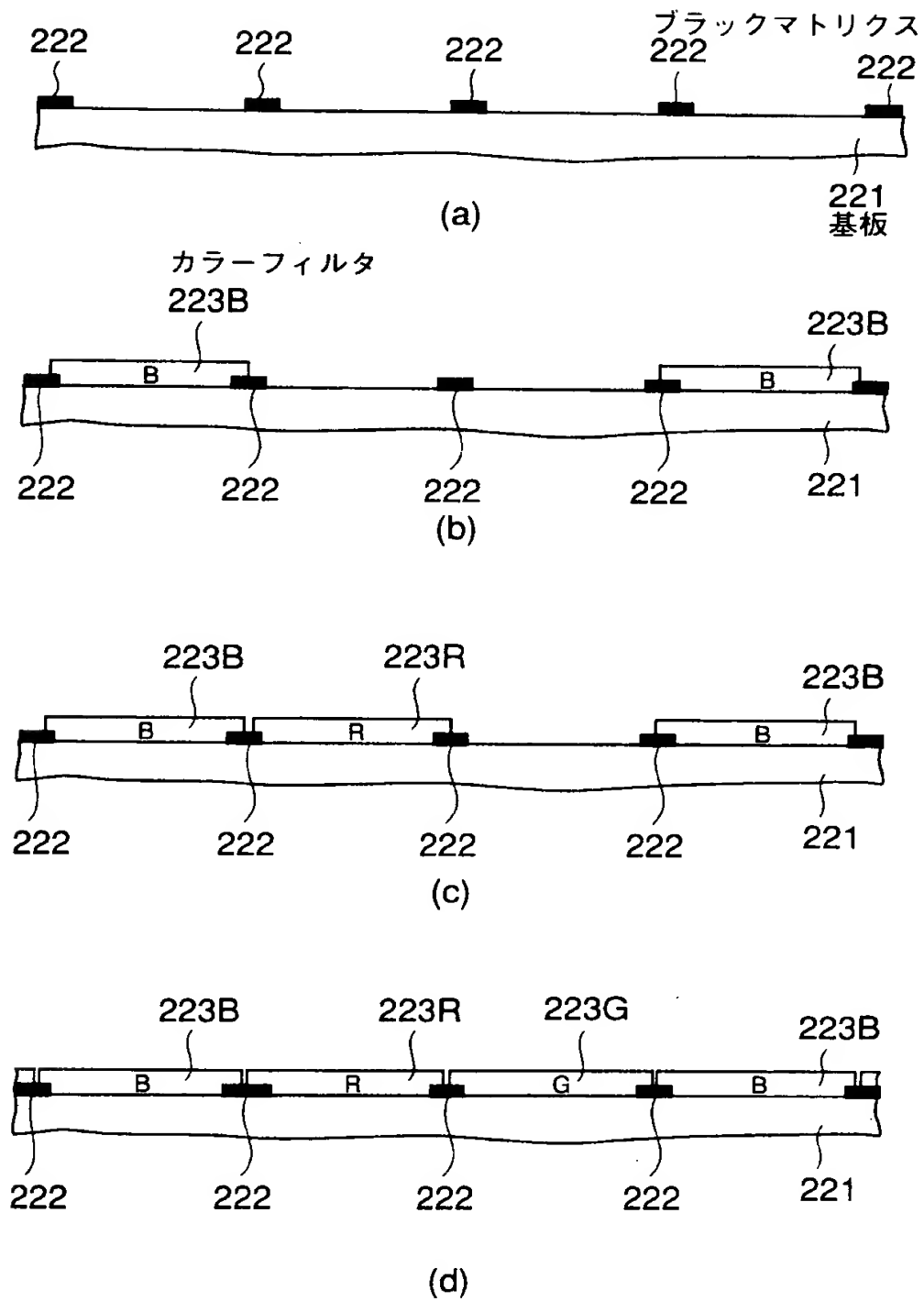
210 : TFT基板  
220 : CF基板

225 : スペース



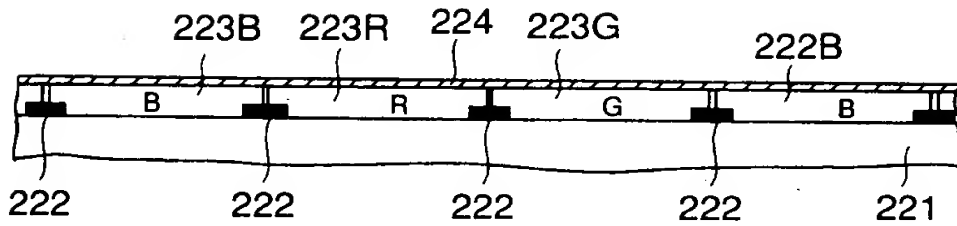
【図 4 6】

CF基板の製造方法 (1)

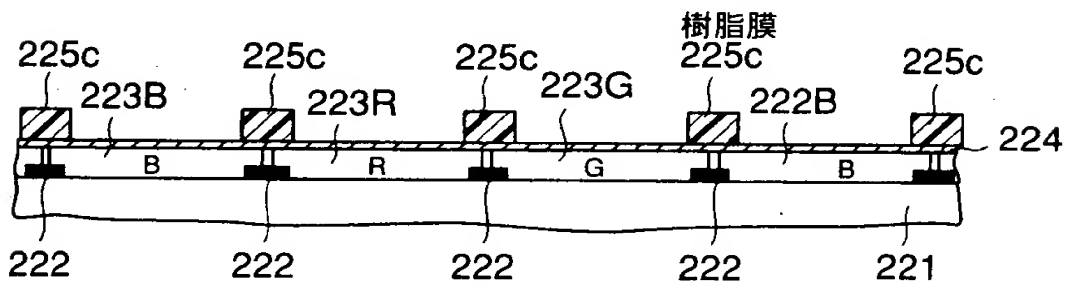


【図 4 7】

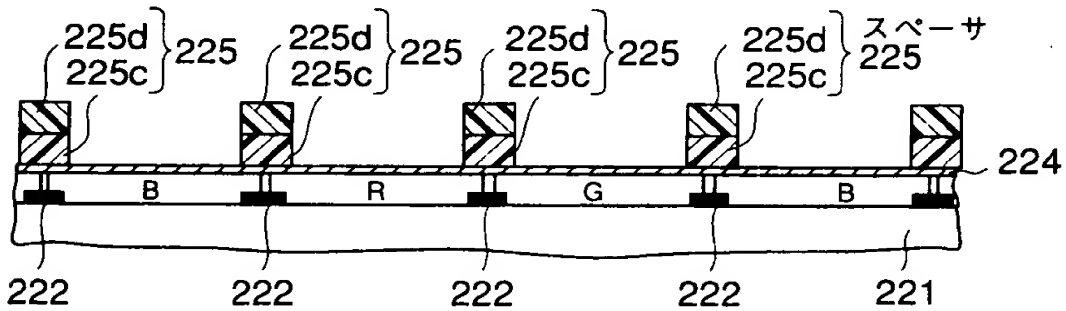
CF基板の製造方法 (2)



(a)



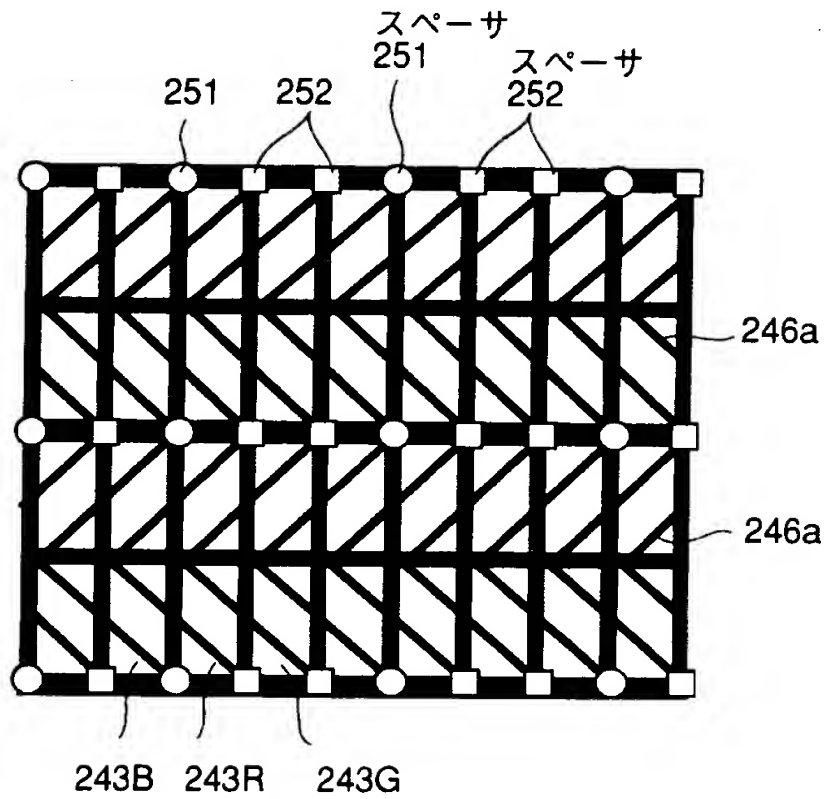
(b)



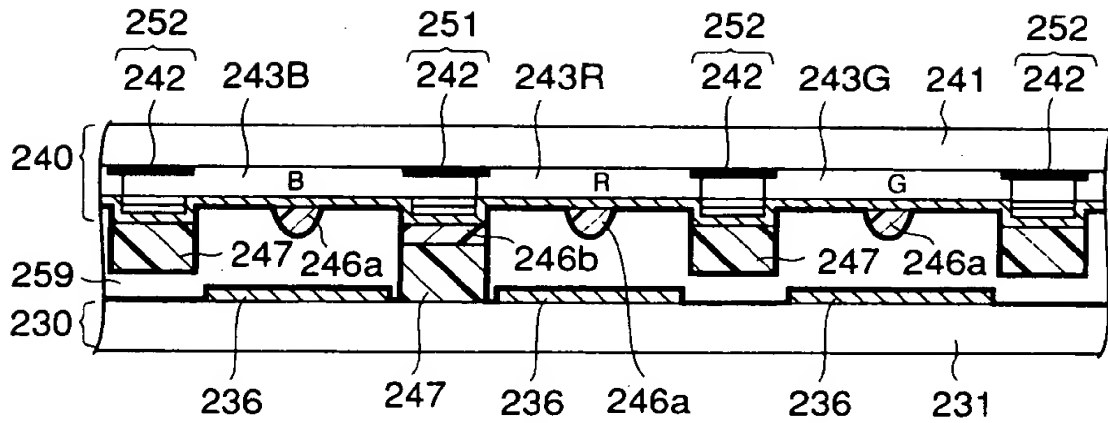
(c)

【図 4 8】

第11の実施の形態



【図 4 9】

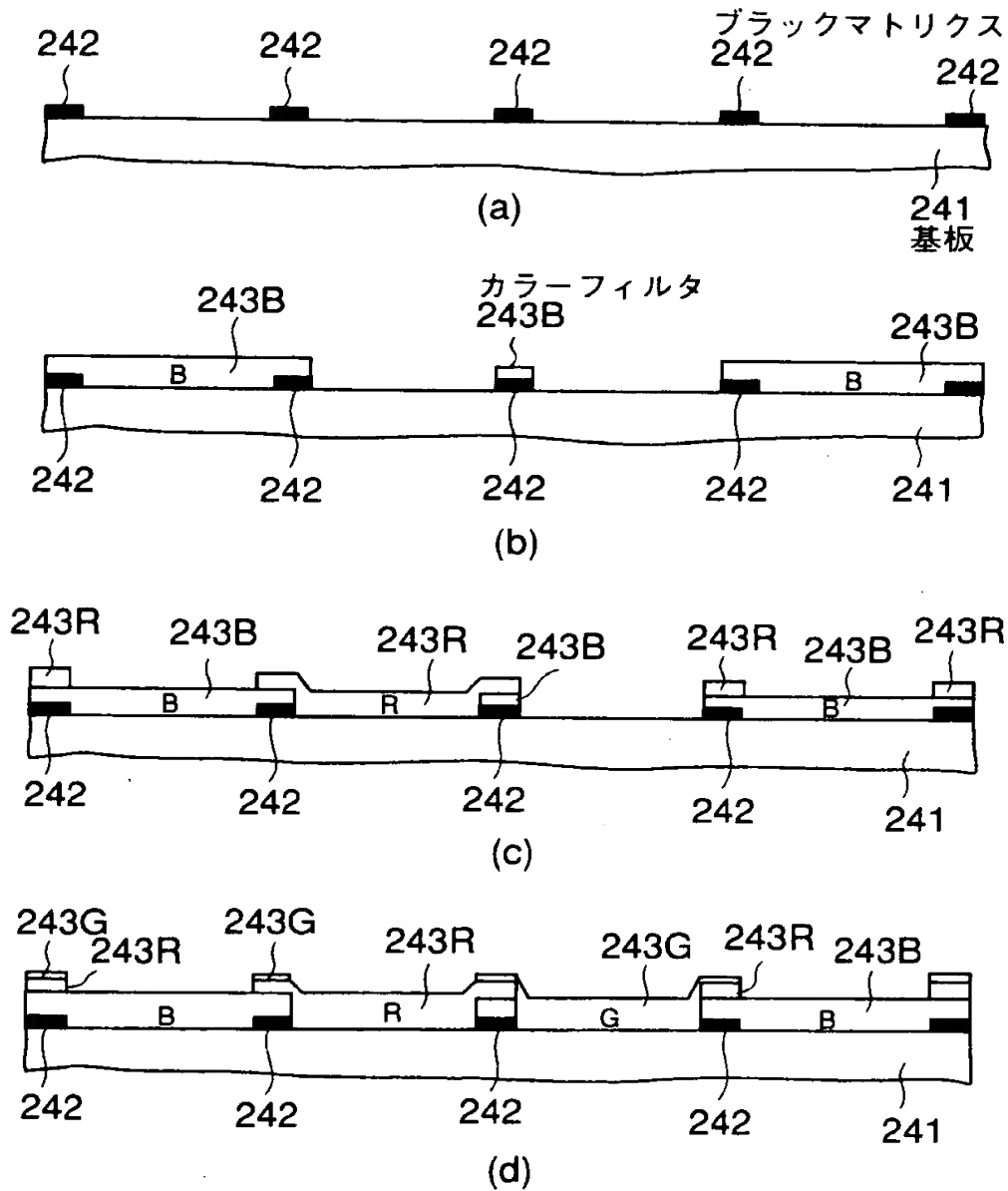


230 : TFT基板  
240 : CF基板

246a : ドメイン規制用突起部  
251, 252 : スペース

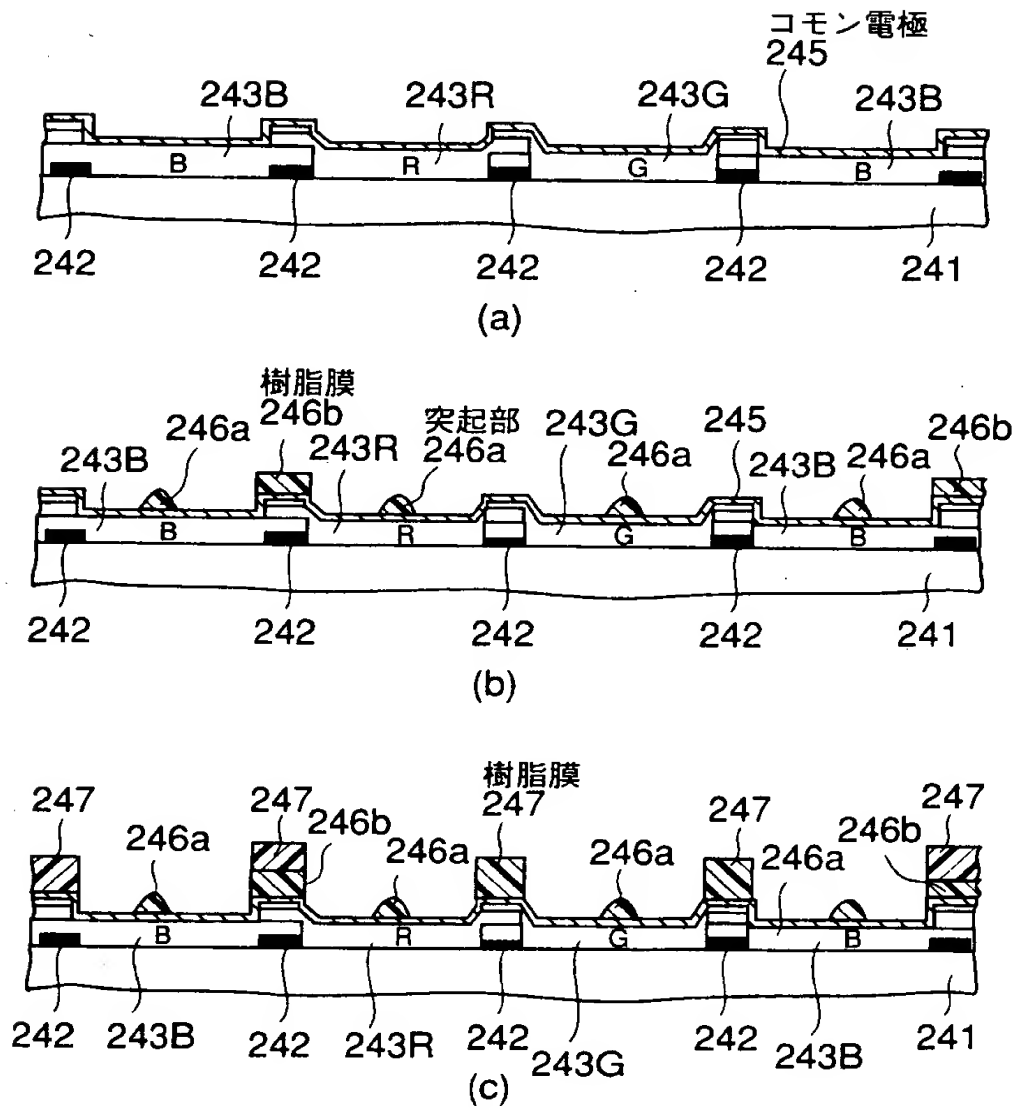
【図 5 0】

CF 基板の製造方法 (1)



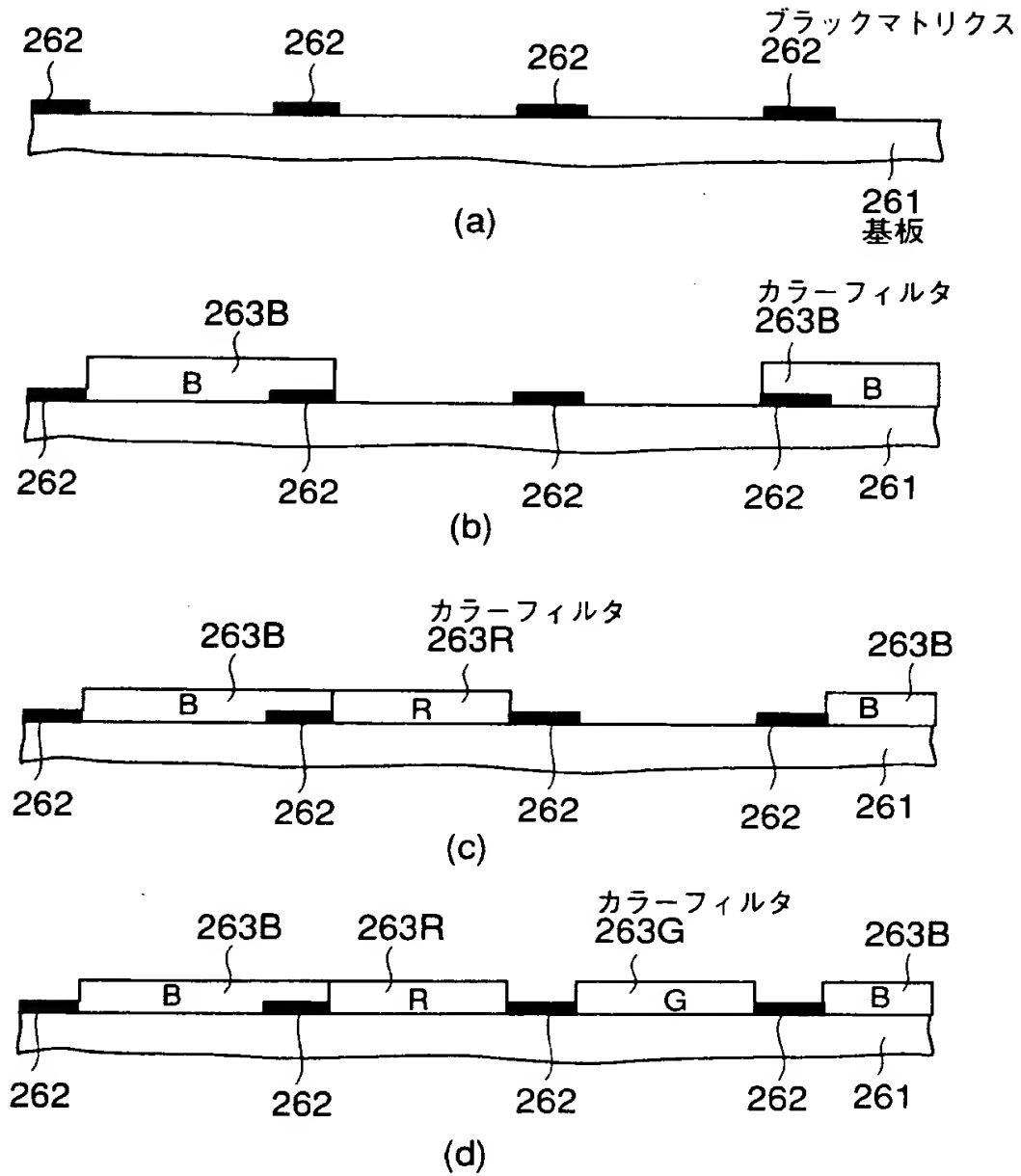
【図 5 1】

CF基板の製造方法 (2)

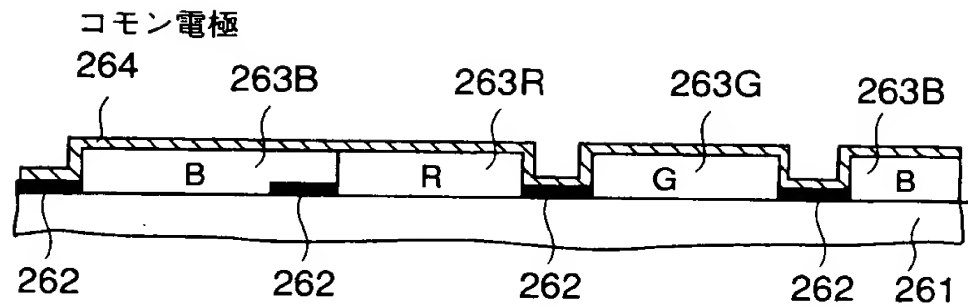


【図 5 2】

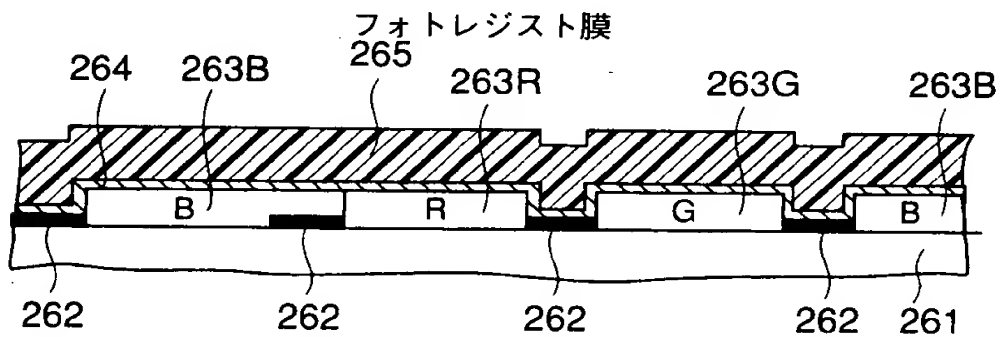
第 1 2 の実施の形態



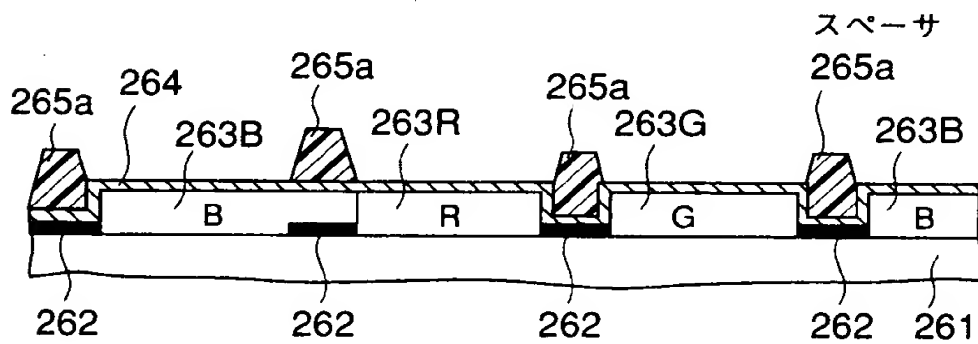
【図 53】



(a)



(b)

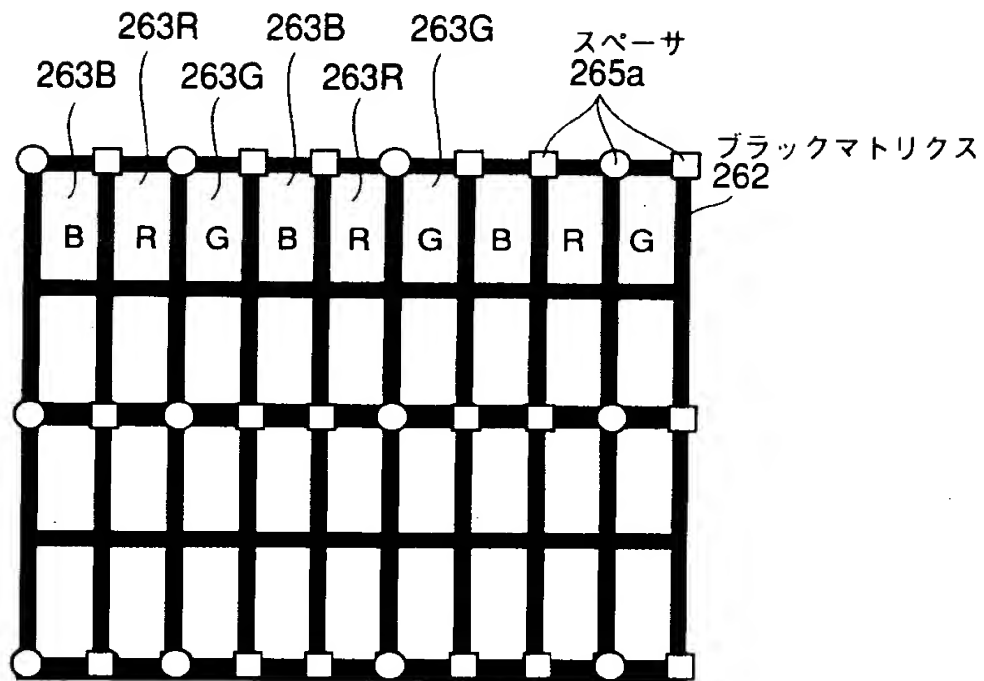


(c)

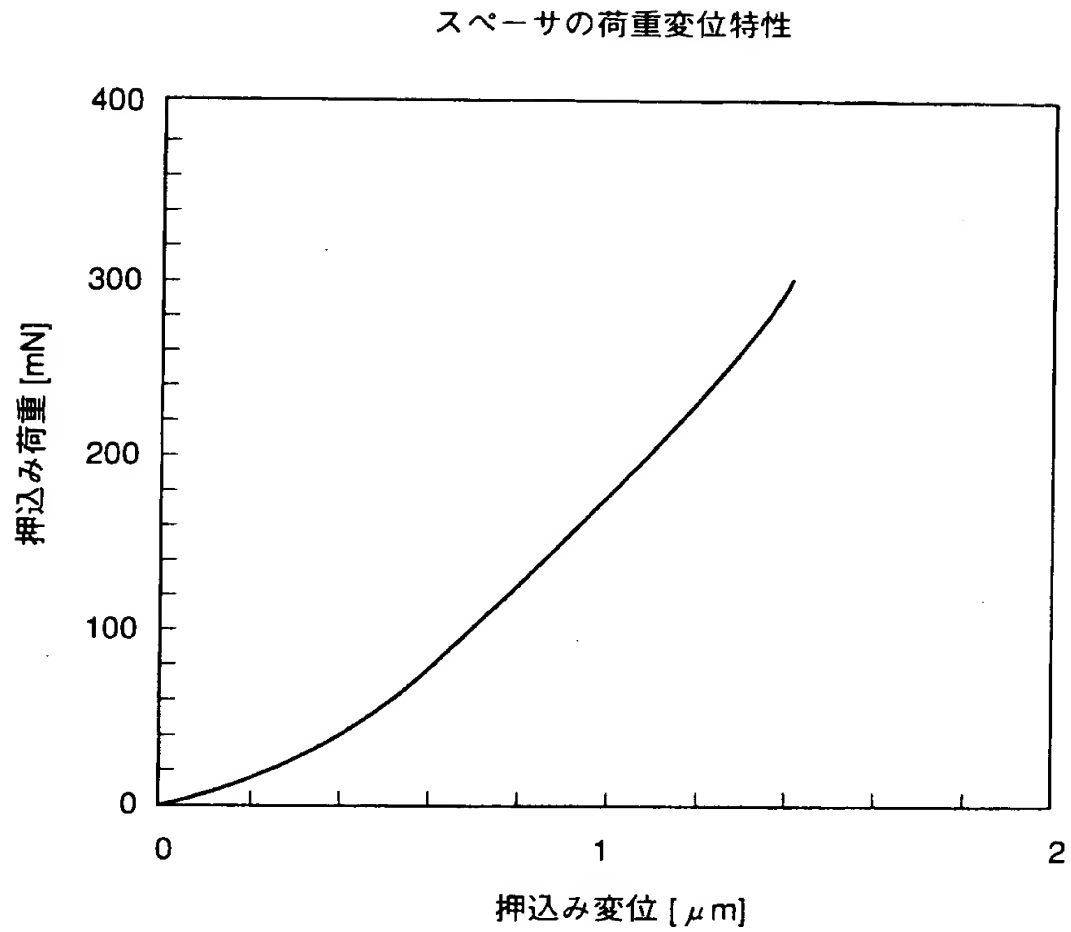


【図 5 4】

CF基板（平面図）



【図 55】



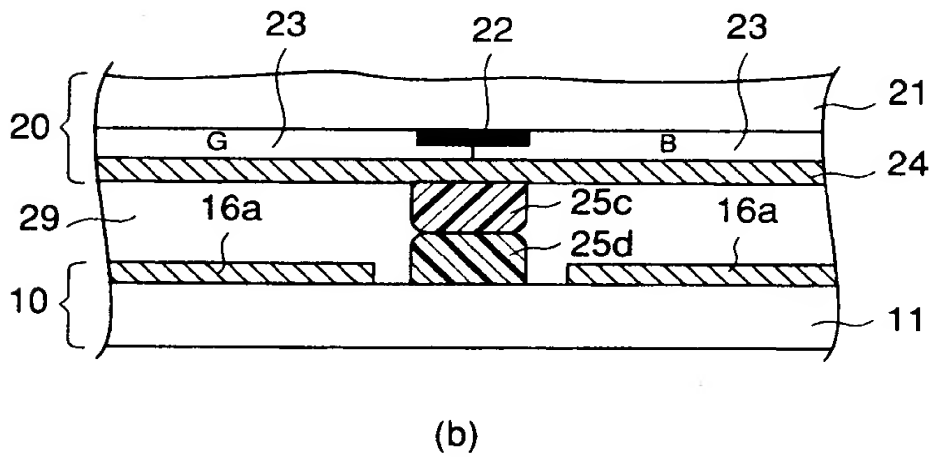
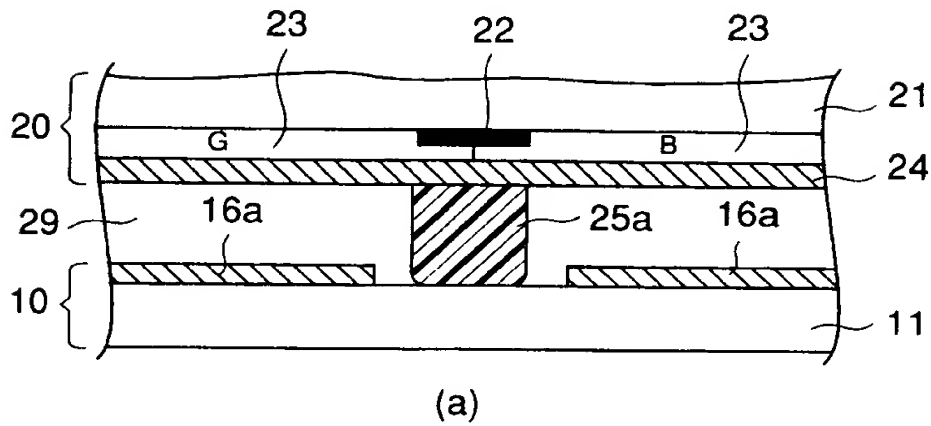
【図 5 6】

スパーサの分布密度と不具合の発生との関係

試料番号	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
密度 個/cm <sup>2</sup>	141	283	567	1133	3400
$\times \mu\text{m}$	0.57	0.38	0.25	0.17	0.09
$\times/d$	0.143	0.095	0.063	0.043	0.023
高温だぶつき 60/°C	発生無し	発生無し	発生無し	発生有り	発生有り
低温発泡 -20°C	発生無し	発生無し	発生無し	発生有り	発生有り

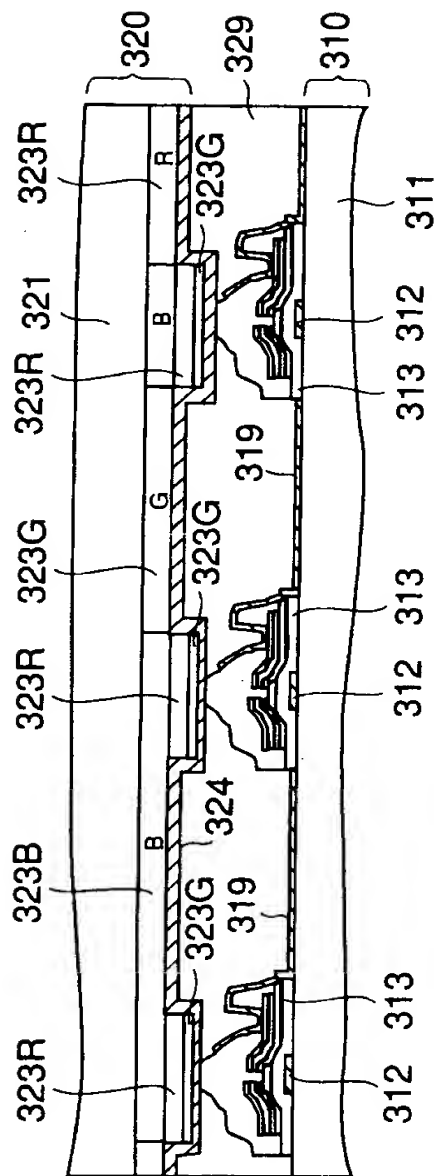
【図 57】

セルギャップ保持用スペーサの例



【图 5 8】

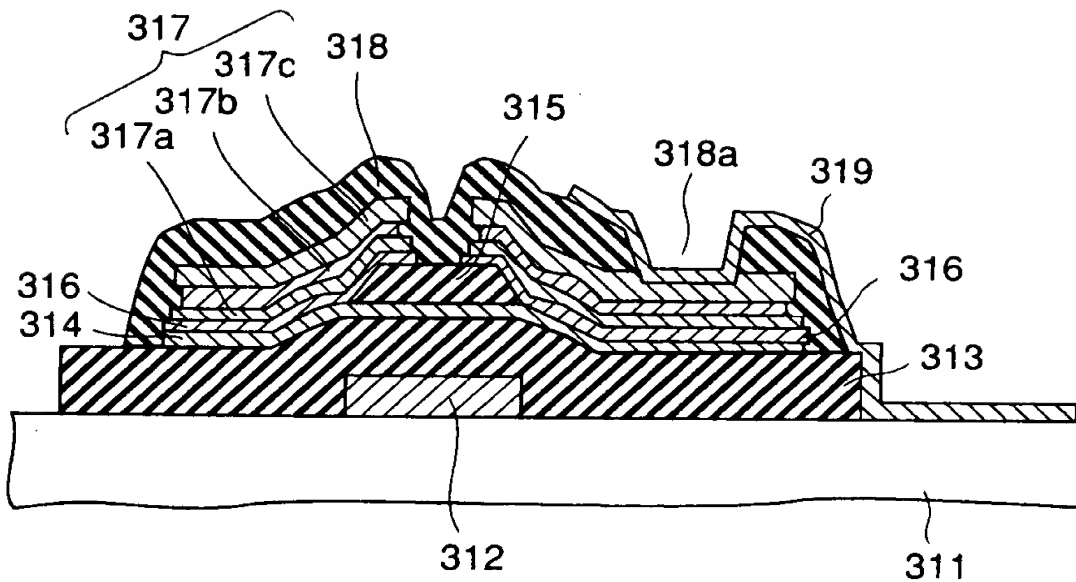
## 第14の実施の形態



310：TFT基板  
312：ゲートバスライン  
319：画素電極  
320：CF基板  
323R,323G,323B：カラーフィルタ  
324：コモン電極

【図 5 9】

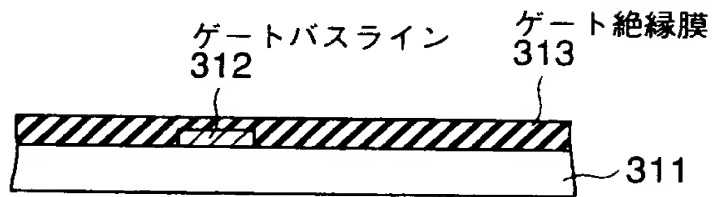
TFT 形成部の拡大図



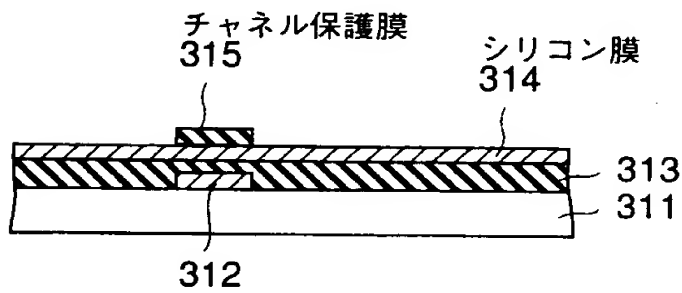
- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 311 : ガラス基板    | 314,316 : シリコン膜 |
| 312 : ゲートバスライン | 315 : チャンネル保護膜  |
| 313,318 : 絶縁膜  | 319 : 画素電極      |

【図 60】

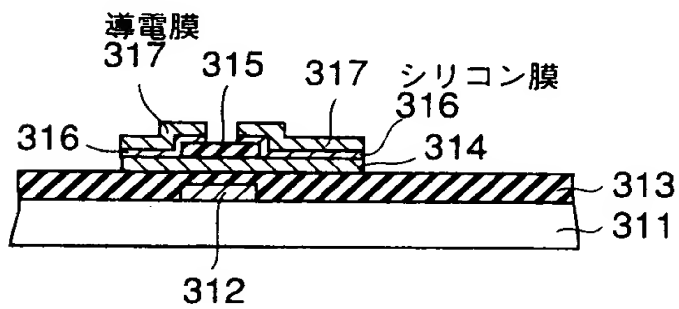
TFT 基板の製造方法 (1)



(a)



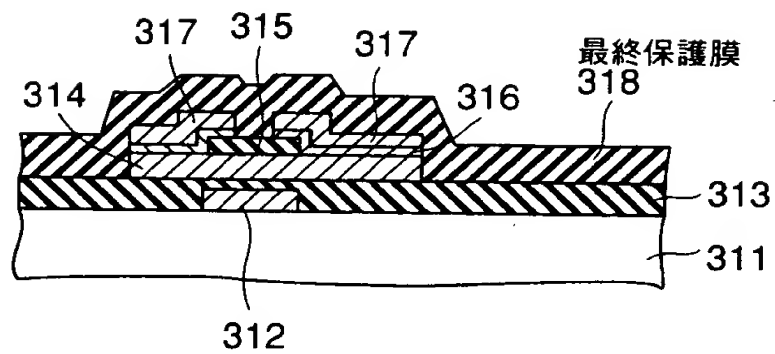
(b)



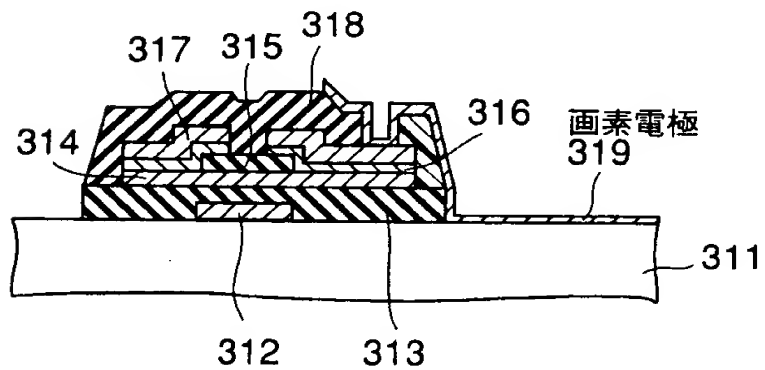
(c)

【図 6 1】

TFT 基板の製造方法 (2)



(a)

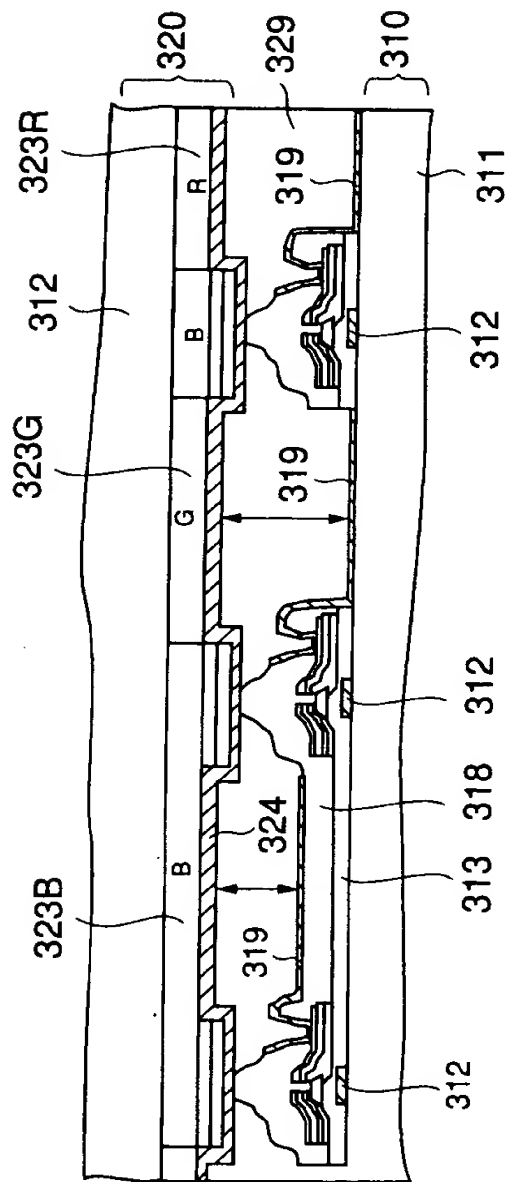


(b)



【図 6 2】

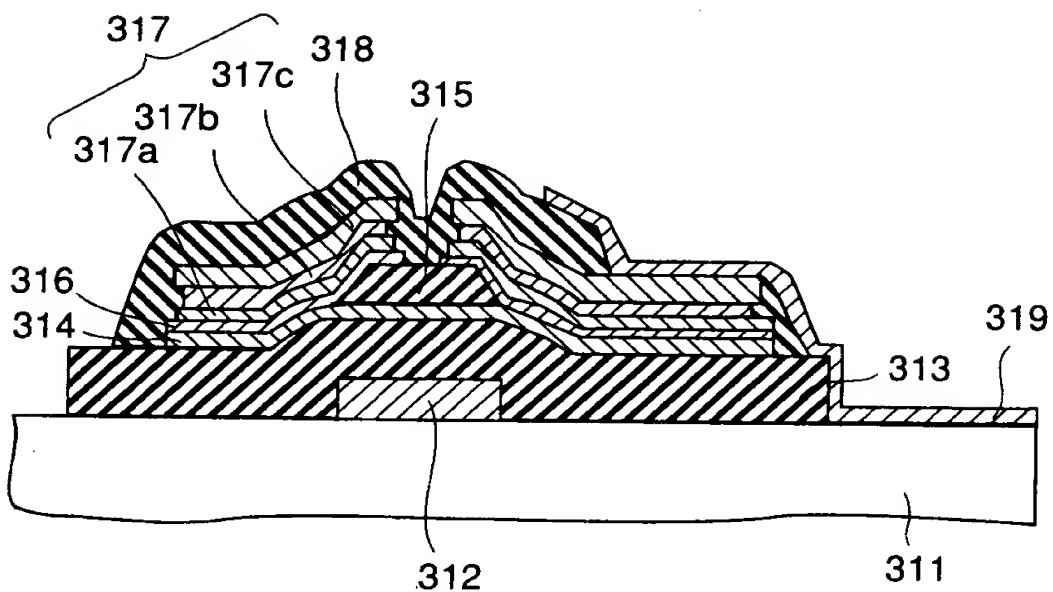
マルチセルギャップの液晶表示装置



- |                |                            |
|----------------|----------------------------|
| 310 : TFT基板    | 320 : CF基板                 |
| 312 : ゲートバスライン | 323R, 323G, 323B : カラーフィルタ |
| 318 : 最終保護膜    | 324 : コモン電極                |
| 319 : 画素電極     |                            |

【図 6 3】

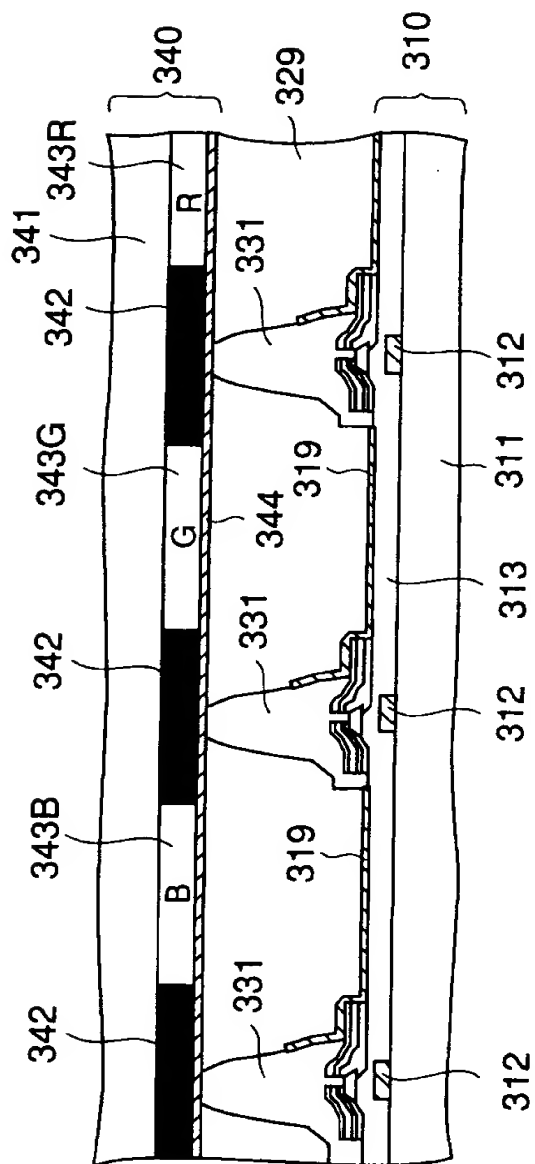
TFT 形成部の拡大図



- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 311 : ガラス基板    | 314,316 : シリコン膜 |
| 312 : ゲートバスライン | 315 : チャネル保護膜   |
| 313,318 : 絶縁膜  | 319 : 画素電極      |

【图 6 4】

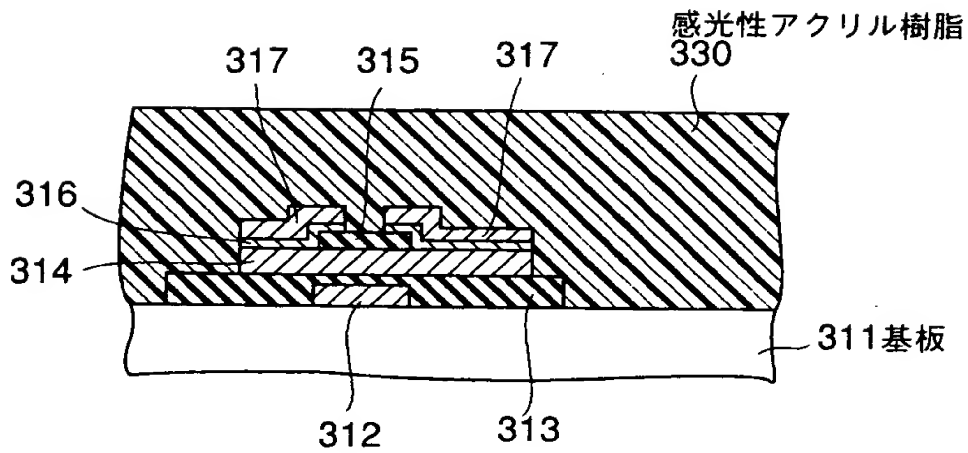
## 第 15 の実施の形態



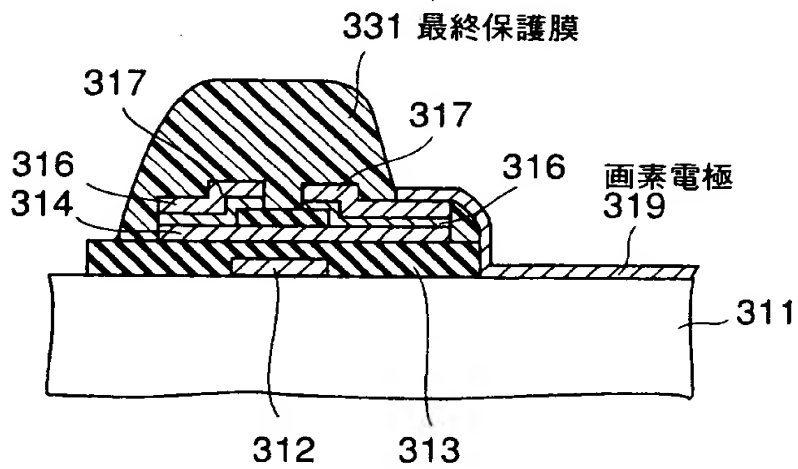
310：TFT基板  
319：画素電極  
331：最終保護膜  
340：CF基板  
342：ブラックマトリクス  
344：コモン電極

【図 65】

TFT 基板の製造方法



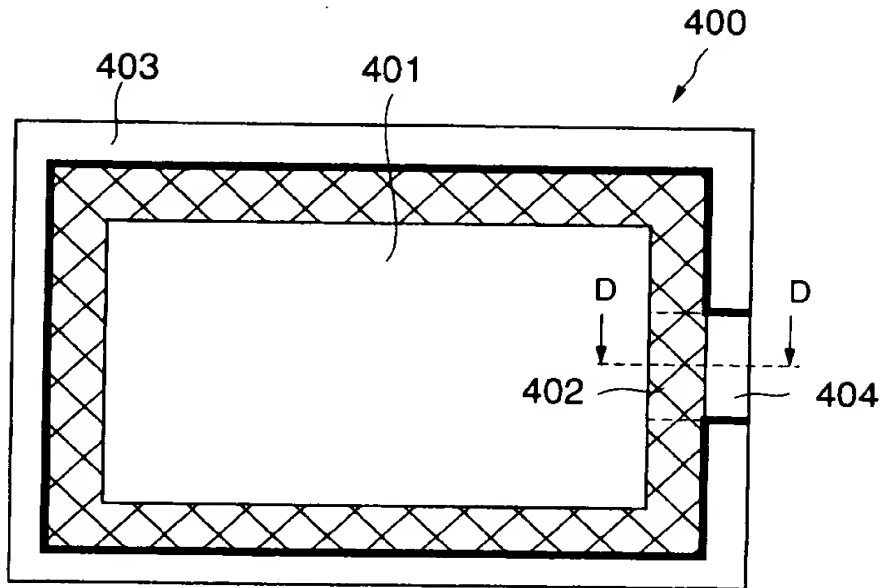
(a)



(b)

【図 6 6】

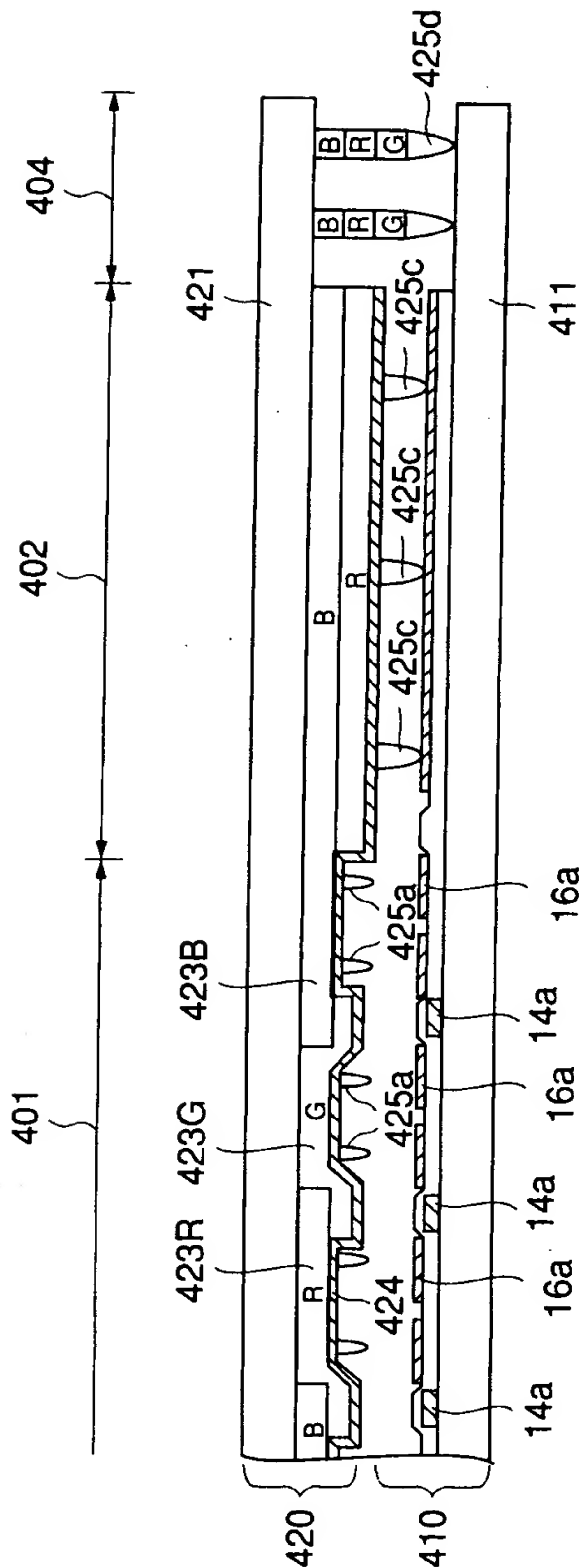
第16の実施の形態



- 400 : 液晶パネル
- 401 : 表示領域
- 402 : 遮光領域
- 403 : シール材
- 404 : 液晶注入口

【図 6 7】

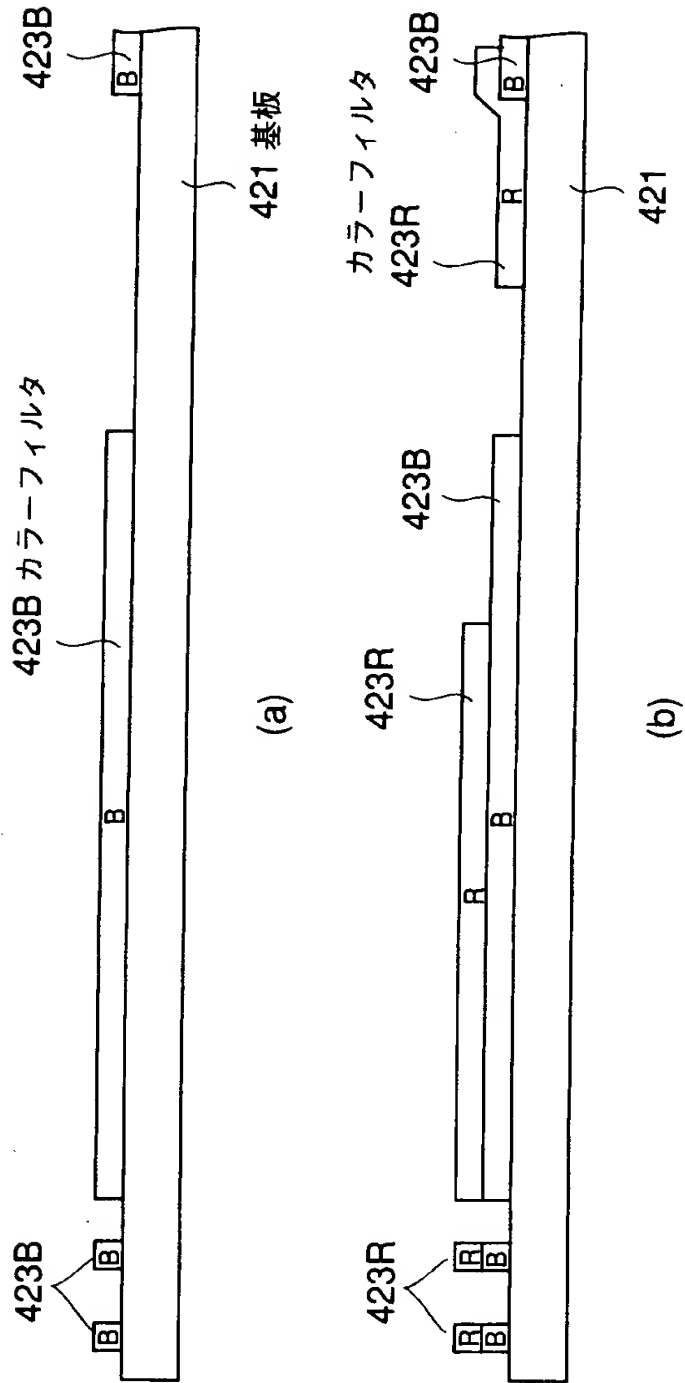
液晶パネルの断面図



- 401 : 表示領域
- 402 : 遮光領域
- 404 : 液晶注入口
- 425a : ドメイン規制用突起部
- 425c, 425d : ギャップ保持用スペーサ

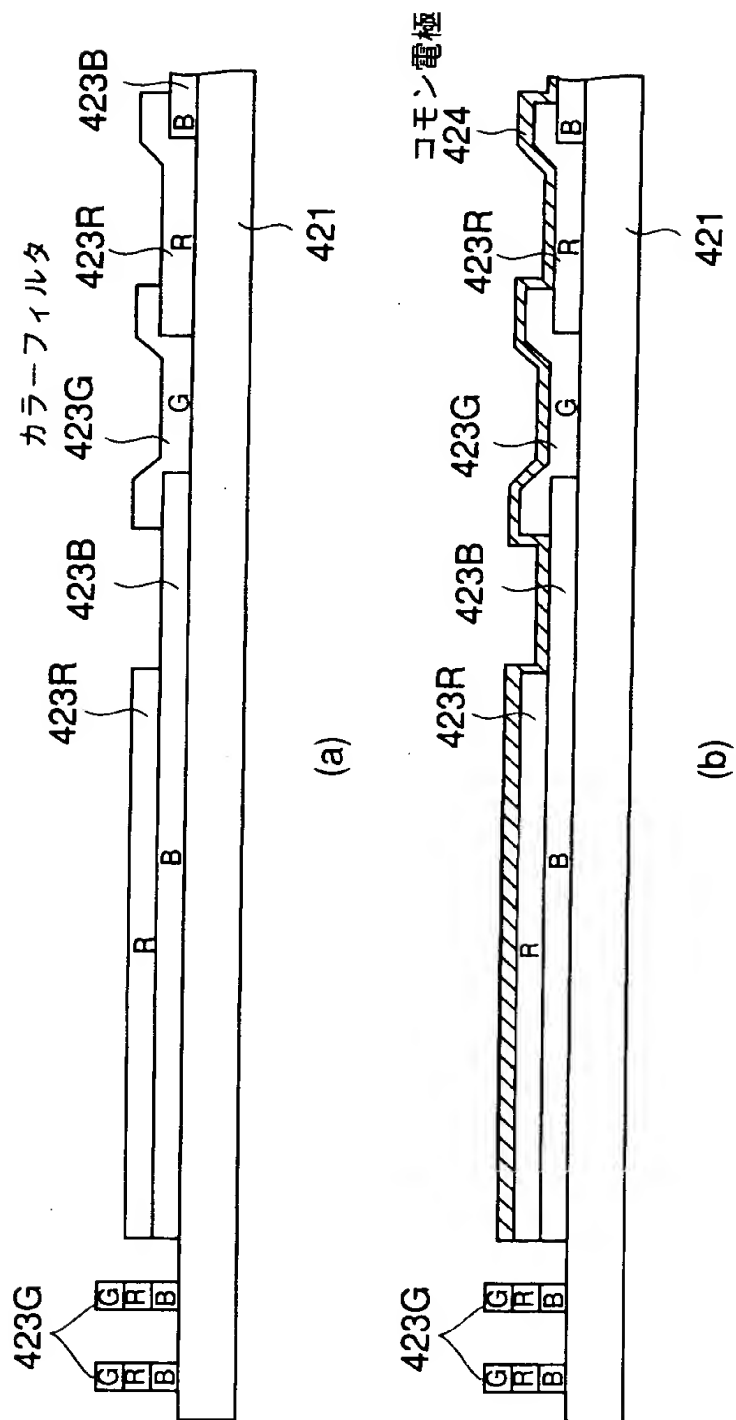
【図 68】

CF基板の製造方法（断面図）



【図 69】

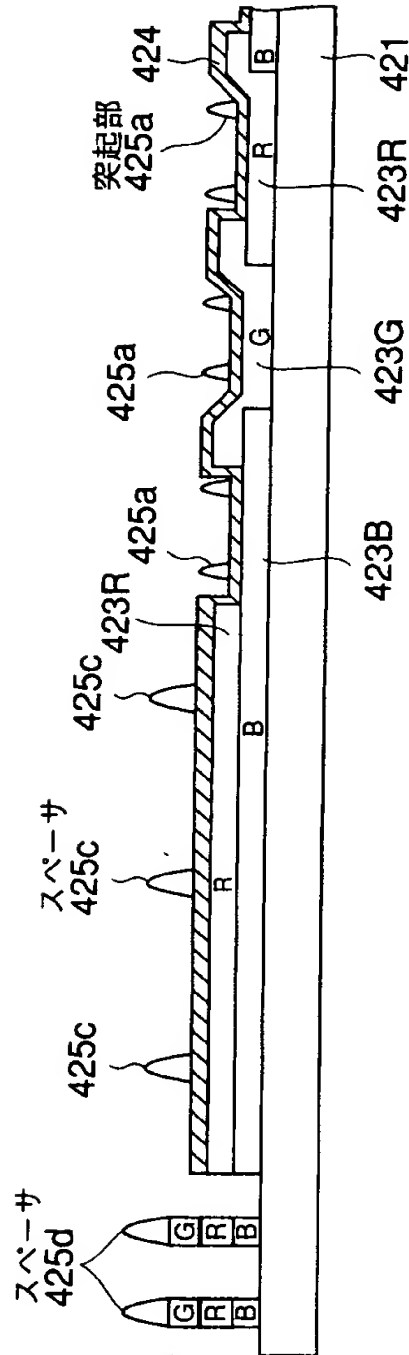
CF基板の製造方法（断面図2）





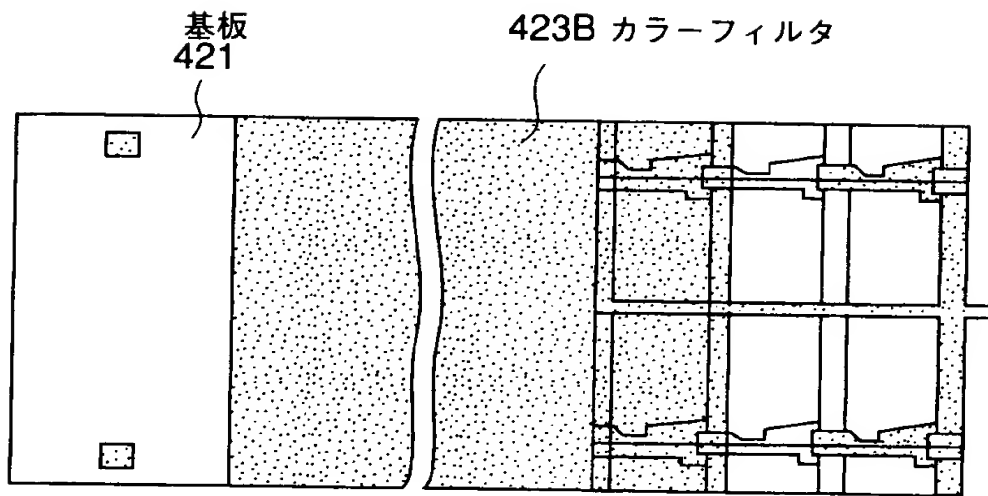
【図 70】

CF基板の製造方法（断面図3）

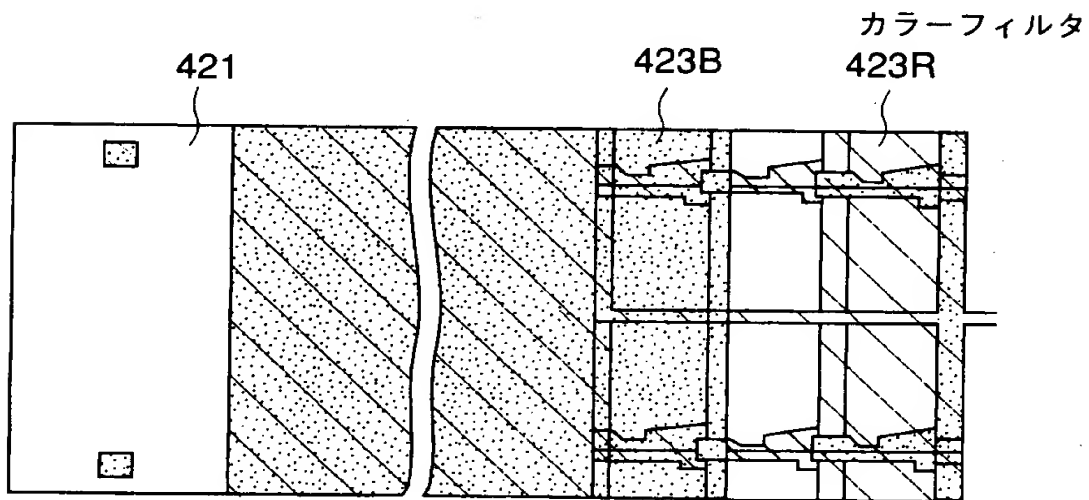


【図 7 1】

CF 基板の製造方法（平面図1）



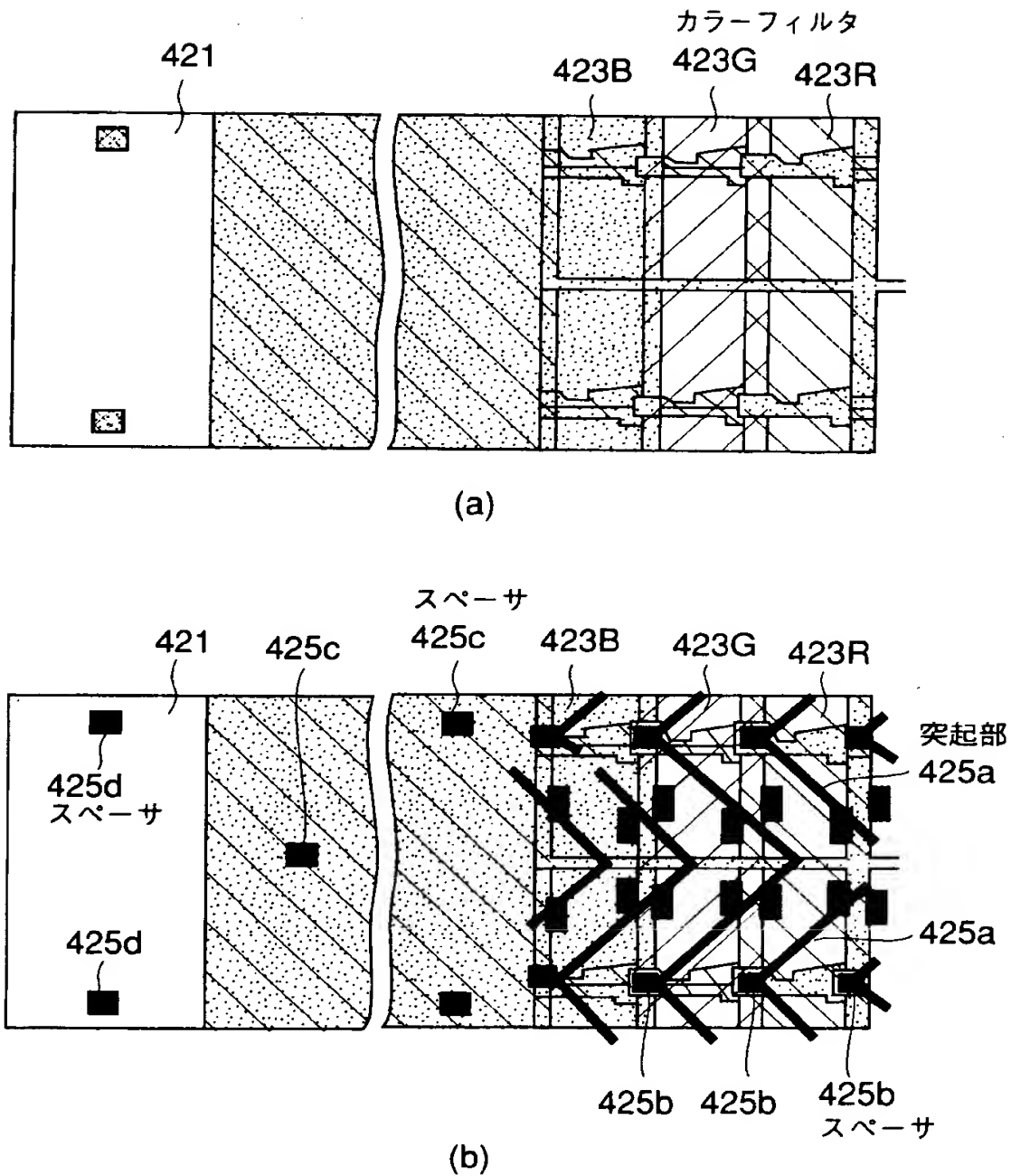
(a)



(b)

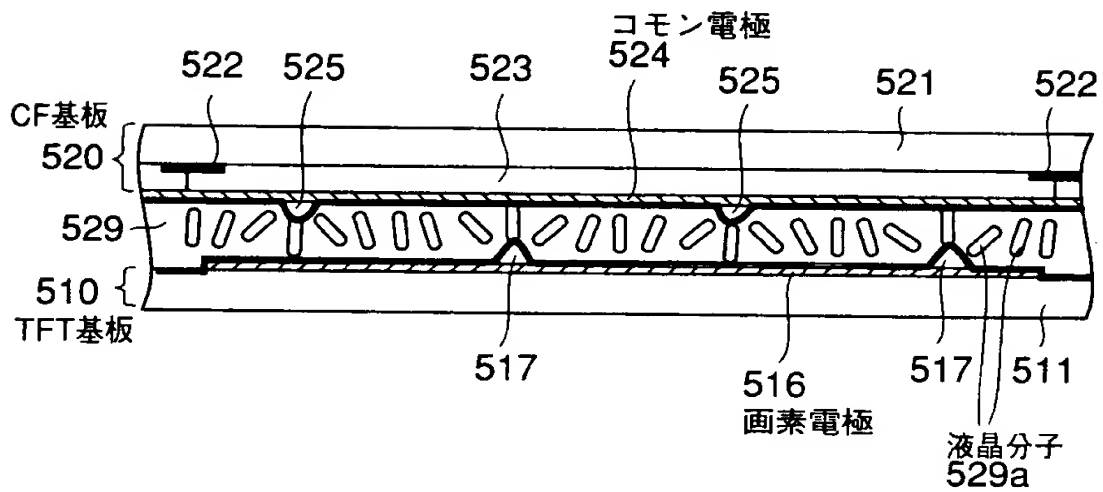
【図 7 2】

CF 基板の製造方法（平面図2）



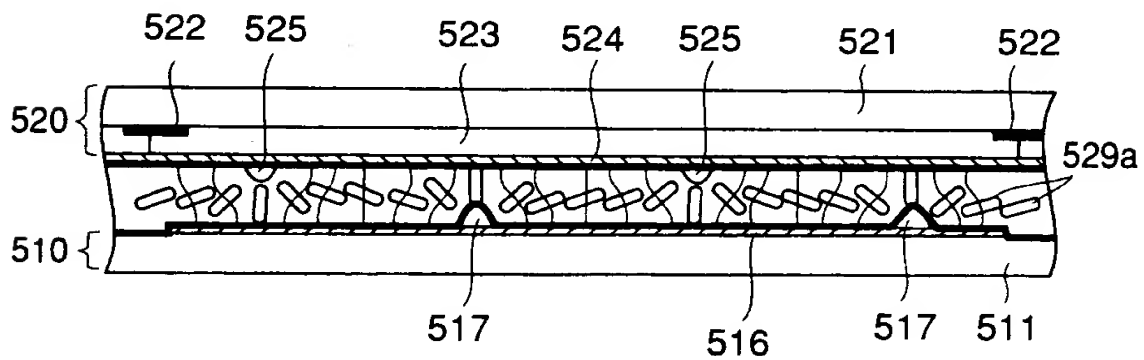
【図 7 3】

従来の液晶表示装置 (1)



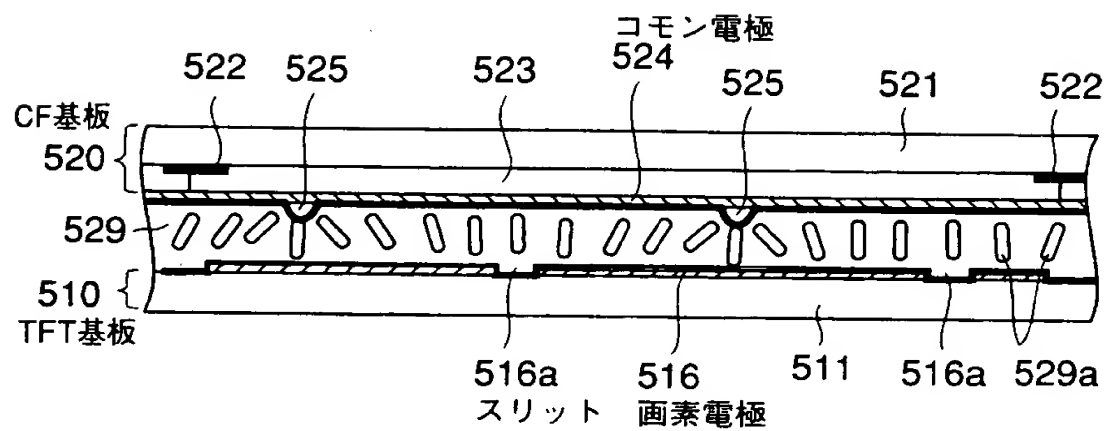
【図 7 4】

電圧印可時の状態



【图 7 5】

### 従来の液晶表示装置 (2)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 従来に比べてより良好な表示品質が得られる液晶表示装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 T F T基板 1 0 と C F 基板 2 0 との間に垂直配向型液晶 2 9 を封入した構造を有する。T F T基板 1 0 にはスリット 1 6 b が設けられた画素電極 1 6 a が形成されており、C F 基板 2 0 には、セルギャップ保持用スペーサ 2 5 a とドメイン規制用突起部 2 5 b とが形成されている。例えば、ポジ型フォトリソをコモン電極 2 4 の上に塗布する。次に、スペーサ形成領域及び突起部形成領域を遮光するマスクを使用して第 1 の露光を行い、その後、スペーサ形成領域を遮光するマスクを用いて第 2 の露光を行う。次いで、フォトリソを現像することにより、高さが異なるスペーサ 2 5 a 及び突起部 2 5 b を同時に形成することができる。

【選択図】 図 1

【書類名】 手続補正書  
【整理番号】 9940930  
【提出日】 平成12年11月10日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【事件の表示】

【出願番号】 特願2000- 7176

【補正をする者】

【識別番号】 000005223

【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】 100091672

【弁理士】

【氏名又は名称】 岡本 啓三

【電話番号】 03-3663-2663

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許願

【補正対象項目名】 発明者

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 澤崎 学

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

【氏名】 高木 孝

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】 井上 弘康

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中 4 丁目 1 番 1 号 富士通  
株式会社内

【氏名】 池田 政博

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中 4 丁目 1 番 1 号 富士通  
株式会社内

【氏名】 伊丹 直重

【発明者】

【住所又は居所】 鳥取県米子市石州府字大塚ノ 貳 6 5 0 番地 株式会社米  
子富士通内

【氏名】 田野瀬 友則

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中 4 丁目 1 番 1 号 富士通  
株式会社内

【氏名】 松井 直宣

【発明者】

【住所又は居所】 鳥取県米子市石州府字大塚ノ 貳 6 5 0 番地 株式会社米  
子富士通内

【氏名】 細川 和行

【発明者】

【住所又は居所】 鳥取県米子市石州府字大塚ノ 貳 6 5 0 番地 株式会社米  
子富士通内

【氏名】 角 一彦

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中 4 丁目 1 番 1 号 富士通  
株式会社内



【氏名】 谷口 洋二

【発明者】

【住所又は居所】 鳥取県米子市石州府字大塚ノ貳 6 5 0 番地 株式会社米  
子富士通内

【氏名】 中野 晋

【その他】 出願人希望の出願期限が迫っていたため、発明者の誤記  
を見過ごしてしまいました。ここに訂正致します。

【ブルーフの要否】 要

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005223]

1. 変更年月日 1996年 3月26日  
[変更理由] 住所変更  
住 所 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号  
氏 名 富士通株式会社